IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Eiji YONEDA, et al.

ART UNIT:

SERIAL NO.: New Application

EXAMINER:

FILING DATE: Herewith

FOR:

ONIUM SALT COMPOUND AND RADIATION-SENSITIVE RESIN

COMPOSITION

LIST OF INVENTORS' NAMES AND ADDRESSES

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS PO BOX 1450 ALEXANDRIA, VA 22313-1450

SIR:

Listed below are the names and addresses of the inventors for the above-identified patent application.

- 1) Eiji YONEDA c/o JSR Corporation, 5-6-10 Tsukiji, Cho-ku, Tokyo, Japan
- 2) Yong WANG c/o JSR Corporation, 5-6-10 Tsukiji, Cho-ku, Tokyo, Japan
- 3) Yukio NISHIMURA c/o JSR Corporation, 5-6-10 Tsukiji, Cho-ku, Tokyo, Japan

A declaration containing all the necessary information will be submitted at a later date.

Respectfully submitted,

PIPER RUDNICK LLP

Steven B. Kelber

Registration No. 30,073

Attorney of Record

1200 Nineteenth Street, N.W. Washington, D.C. 20036-2412 Telephone No. (202) 861-3900 Facsimile No. (202) 223-2085



発明の名称

オニウム塩化合物および感放射線性樹脂組成物

発明の技術的背景

発明の属する技術分野

本発明は、芳香族炭化水素基あるいは複素環式基に結合した-S〇2構造、-OSO2-構造、または-O-S(O)R2構造、を有する新規オニウム塩化合物、当該オニウム塩化合物からなる感放射線性酸発生剤、および当該感放射線性酸発生剤を含有し、集積回路素子の製造に代表される微細加工に有用なポジ型感放射線性樹脂組成物に関する。

従来の技術

近年、集積回路素子の製造に代表される微細加工の分野では、より高い集積度を得るために、0.30μm以下のレベルでの微細加工が可能なリソグラフィー技術が必要とされている。そして、従来のリソグラフィープロセスでは、一般に放射線としてi線等の近紫外線が用いられているが、この近紫外線では、サブクオーターミクロンレベルの微細加工が極めて困難であると言われている。そこで、0.30μm以下のレベルでの微細加工を可能とするために、より波長の短い放射線の利用が検討されている。

このような短波長の放射線としては、例えば、水銀灯の輝線スペクトルやエキシマレーザーに代表される遠紫外線、X線、電子線等を挙げることができ、これらのうち、特に、KrFエキシマレーザー(波長248nm)、ArFエキシマレーザー(波長193nm)、F2 エキシマレーザー(波長157nm)あるいはEUV(波長13nm等)等の(超)遠紫外線、および電子線等が注目されている。

前記短波長の放射線に適した感放射線性樹脂組成物として、酸解離性基

1 .51

で保護された酸性官能基を有する成分と、放射線の照射(以下、「露光」という。)により酸を発生する感放射線性酸発生剤との間の化学増幅効果を利用した組成物(以下、「化学増幅型感放射線性組成物」という。)が数多く提案されている。例えば特開昭59-45439号公報には、カルボキシル基あるいはフェノール性水酸基を t ーブトキシカルボニル基で保護した重合体および感放射線性酸発生剤を含有する化学増幅型感放射線性組成物が開示されている。該組成物は、露光により発生した酸の作用により、重合体中の t ーブトキシカルボニル基が解離して、カルボキシル基やフェノール性水酸基からなる酸性官能基を形成する結果、レジスト被膜の露光領域がアルカリ現像液に易溶性となる現象を利用したものである。

しかしながら、従来の化学増幅型感放射線性組成物に使用されている感放射線性酸発生剤では、感度が不十分のものがほとんどであり、また従来最も感度が高いとされるスルホニウム塩化合物では耐塩基性が非常に低く、組成物の貯蔵安定性に大きな問題があり、またレジストとしてのプロセス安定性を改善をする塩基性添加剤成分である酸拡散抑制剤の種類も制限されるという欠点がある。

そこで、耐塩基性が高く保存安定性に極めて優れ、かつ高感度な、より 優れた感放射線性酸発生剤の開発が強く求められている。

また、特開昭63-36332号公報や J. of Polymer Sci., Polymer Chemistry Edition, Vol. 18, p. 2697 -2714 (1980)には、芳香族環に結合したスルホニル構造を有するスルホニウム塩化合物がカチオン機構による光重合開始剤として有用であることも報告されているが、脂環族環に結合したスルホニル構造を有するスルホニウム塩化合物については、従来合成されていない。

本発明の課題は、従来技術における前記実状に鑑みてなされたものであり、特に、活性放射線、例えば、KrFエキシマレーザー、ArFエキシマレーザー、F2 エキシマレーザー、EUV等に代表される(超)遠紫

外線、電子線の如き各種の放射線に感応し、優れた保存安定性を有するとともに、高感度で高解像度の化学増幅型フォトレジストとして有用な感放射線性樹脂組成物に使用される感放射線性酸発生剤として好適な新規オニウム塩化合物、当該オニウム塩化合物かななる感放射線性酸発生剤および当該感放射線性酸発生剤を含有するポジ型感放射線性樹脂組成物を提供することにある。

発明の要約

本発明によると、前記課題は、第一に、

カチオン部分が下記一般式(1)で表されるオニウム塩化合物によって達成される。

$$(Ar^2)_{\overline{n}} A^{+} (Ar^1)_{\overline{n}}$$
 (1)

「一般式(1)において、Aはヨウ素原子または硫黄原子を示し、Aがヨウ素原子の場合、mは1または2、nは0または1で、(m+n)=2を満たし、xは1~10の整数であり、Aが硫黄原子の場合、mは1~3の整数、nは0~2の整数で、(m+n)=3を満たし、xは1~15の整数であり、Ar² およびAr² は相互に独立に置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の原子数3~20の1価の複素環式基を示すか、あるいはAr² とAr² が相互に結合して、式中のA+ と共に原子数3~8の環状構造を有する基を形成しており、x個の一P基はm個のAr¹ 基の1つ以上に結合しており、pは一〇一S〇₂ R¹、一〇一S(〇)R²または一SО₂ R³を示し、R¹、R²およびR³は相互に独立に水素原子、置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数3~2

0の1価の脂環式炭化水素基、炭素数2~20のアルケニル基、置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは非置換の原子数3~20の1価の複素環式基または-N(R')2 基(但し、各R'は相互に独立に水素原子、置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の原子数3~20の1価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の原子数3~20の1価の複素環式基を示すか、あるいは2個のR'が相互に結合して、式中の窒素原子と共に原子数3~8の環状構造を有する基を形成している。)を示す。〕(以下「オニウム塩化合物(1)」という。)

上記オニウム塩化合物のうち、一般式(1)のAが硫黄原子である化合物が好ましい。

また、上記オニウム塩化合物のうち、一般式(1)のPが $-O-SO_2$ $-CF_2-R^4$ である、カチオン部分が下記一般式(2)で表される化合物が好ましい。

$$\left(OSO_{2}-CF_{2}-R^{4}\right)_{X}$$

$$\left(Ar^{2}\right)_{\overline{n}}-A^{+}-\left(Ar^{1}\right)_{\overline{m}}$$

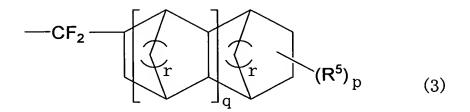
$$(2)$$

[一般式(2)において、A、Ar¹、m、Ar²、nおよびxは一般式(1)におけるそれぞれA、Ar¹、m、Ar²、nおよびxと同義であり、R⁴は水素原子、フッ素原子、ニトロ基、シアノ基または炭素数1~20の1価の有機基を示す。〕(以下「オニウム塩化合物(2)」という。)

上記オニウム塩化合物のうち、一般式(2)のAが硫黄原子である化合

物が好ましい。

さらに、上記オニウム塩化合物(2)のうち、一般式(2)中のR ⁴が下記一般式(3)で表される基である、オニウム塩化合物(以下「オニウム塩化合物(3)」という。)も好ましい。



[一般式(3)において、R □は置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数3~20の1価の脂環式炭化水素基、炭素数2~20のアルケニル基、置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは非置換の原子数3~20の1価の複素環式基または一N(R²') □ 基(但し、R²'は水素原子、置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数3~20の1価の脂環式炭化水素基、炭素数2~20のアルケニル基、置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の原子数3~20の1価の複素環式基を示すか、あるいは2個のR²'が相互に結合して、式中の窒素原子と共に原子数3~8の環状構造を有する基を形成している。)を示し、pは0~16の整数であり、qは0~8の整数である。「は1~3の整数である。〕

さらに、一般式(3)におけるpおよびqがともに0であり、2つのrがともに1であるオニウム塩化合物が好ましい。

また、一般式(1)中のPが式、

$$SO_2$$
 $\left[R^6\right]_p$

で表される基である、カチオン部分が下記一般式 (4) で表されるオニウム塩化合物 (以下「オニウム塩化合物 (4)」という。) も好ましい。

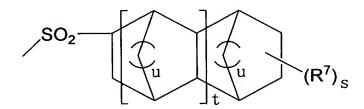
$$SO_{2} \xrightarrow{\left[R^{6}\right]_{p}} X$$

$$(Ar^{2})_{\overline{n}} A^{+} (Ar^{1})_{m}$$

$$(4)$$

[一般式(4)において、A、Ar¹、m、Ar²、nおよびxは一般式(1)におけるそれぞれA、Ar¹、m、Ar²、nおよびxと同義であり、pおよびqは一般式(3)におけるpおよびqと同義であり、R 6 は置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数2~20のアルケニル基、置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基、炭素数2~20のアルケニル基、置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の複素環式基または一N(R³)2基(但し、各R³は相互に独立に水素原子、置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の原子数3~20の1価の複素環式基を示すか、あるいは2個のR³が相互に結合して、式中の窒素原子と共に原子数3~8の環状構造を有する

基を形成している。)を示す。〕 さらに、一般式(1)中のPが式、



で表される基である、カチオン部分が下記一般式(5)で表されるオニウム塩化合物(以下「オニウム塩化合物(5)」という。)も好ましい。

$$(Ar^{2})_{\overline{n}} A^{+} (Ar^{1})_{\overline{m}} \left(SO_{2} - \left(\overline{U} \right)_{\overline{u}} (R^{7})_{S} \right)_{X}$$
 (5)

[一般式 (5) において、A、Ar 1、m、Ar 2、nおよびxは一般式 (1) におけるそれぞれA、Ar 1、m、Ar 2、nおよびxと同義であり、R 7 は置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数3~20の1価の脂環式炭化水素基、炭素数2~20のアルケニル基、置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは非置換の原子数3~20の1価の複素環式基または一N(R4)2基(但し、各R4)は相互に独立に水素原子、置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数3~20の1価の脂環式炭化水素基、炭素数2~20のアルケニル基、置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の複素環式基を示すか、あるいは2

個のR⁴が相互に結合して、式中の窒素原子と共に原子数3~8の環状構造を有する基を形成している。)を示し、sは0~6の整数であり、tは0~5の整数であり、各uは相互に独立に1~3の整数である。〕
さらに、一般式(1)中のPが式、

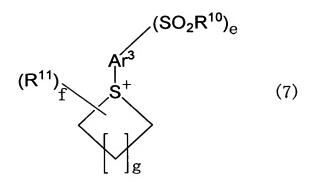
$$SO_2$$
 $O-R^8$
 $O-R^9$

で表される基である、カチオン部分が下記一般式 (6) で表されるオニウム塩化合物 (以下「オニウム塩化合物 (6)」という。)が好ましい。

[-般式(6) において、A、Ar 1 、m、Ar 2 、nおよびxは一般式(1) におけるそれぞれA、Ar 1 、m、Ar 2 、nおよびxと同義であり、R 8 およびR 9 は相互に独立に置換もしくは非置換の炭素数 $1\sim 20$ のアルキル基または置換もしくは非置換の炭素数 $3\sim 20$ の 1 価の脂環式炭化水素基を示すか、あるいはR 8 と R 9 が相互に結合して、式中の 1 個の炭素原子および 2 個の酸素原子と共に原子数 $4\sim 10$ の環状構造を有する基を形成しており、 v および w はそれぞれ $0\sim 5$ の整数で、 (v+w)

≥1を満たす。〕

前記課題は、さらに、カチオン部分が下記一般式 (7) で表されるオニウム塩化合物 (以下「オニウム塩化合物 (7)」という。)によって達成される。



[一般式(7)において、Ar³は置換もしくは非置換の炭素数6~20の2価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の原子数3~20の2価の複素環式基を示し、R¹¹およびR¹²は相互に独立に置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数3~20の1価の脂環式炭化水素基、炭素数2~20のアルケニル基、置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは非置換の原子数3~20の1価の複素環式基または一N(R⁵)2基(但し、各R⁵は相互に独立に水素原子、置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の原子数3~20の1価の複素環式基を示すか、あるいは2個のR⁵が相互に結合して、式中の窒素原子と共に原子数3~8の環状構造を有する基を形成している。)を示し、eは1~10の整数であり、fは0~6の整数であり、gは0~3の整数である。〕

さらに、オニウム塩化合物 (7) のうち、一般式 (7) 中のAr ³ が 式、

で表される基である、カチオン部分が下記一般式(8)で表されるオニウム塩化合物(以下「オニウム塩化合物(8)」という。)が好ましい。

$$(R^{12})_{z} \qquad (SO_{2}R^{10})_{w}$$

$$(R^{11})_{y} \qquad S^{+} \qquad (8)$$

[一般式 (8) において、R 1 $^{\circ}$ 、e、R 1 1 、f および g は 一般式 (7) におけるそれぞれ R 1 $^{\circ}$ 、e、R 1 1 、f および g と 同義であり、 R 1 2 は 置換も しくは 非 置換の 炭素数 1 2 0 の 2 2 0 の 2 2 0 の 2 1 価の 影響 式 炭 化 水素 基、 炭素数 2 2 2 0 の 2 の

は一N(R⁶) 2 基(但し、各R⁶ は相互に独立に水素原子、置換もしくは非置換の炭素数 1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数 3~20の1価の脂環式炭化水素基、炭素数 2~20のアルケニル基、置換もしくは非置換の炭素数 6~20の1価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の原子数 3~20の1価の複素環式基を示すか、あるいは 2個の R⁶ が相互に結合して、式中の窒素原子と共に原子数 3~8の環状構造を有する基を形成している。)を示し、h は 0~6の整数である。〕さらに、一般式(7)中の A r³ が式、

で表される基である、カチオン部分が下記一般式 (9) で表されるオニウ ム塩化合物が好ましい。

$$(R^{12})_h$$
 $(SO_2R^{10})_e$ $(R^{11})_f$ S^+ (9)

[一般式 (9) において、R ^{1 O}、 e、R ^{1 1}、 f、R ^{1 2} よびhは

一般式 (8) におけるそれぞれ R ¹ [○] 、 e 、 R ¹ ¹ 、 f 、 R ¹ ² および h と同義である。〕(以下「オニウム塩化合物(9)」という。) さらに、一般式 (7) 中の A r ³ が式、

で表される基であり、 e が 1 である、カチオン部分が下記一般式 (10)で表されるオニウム塩化合物 (以下「オニウム塩化合物 (10)」という。)が好ましい。

$$(R^{12})_h$$
 SO_2R^{10} $(R^{11})_f$ S^+ (10)

[-般式(10) において、 R^{10} 、 R^{11} 、f、 R^{12} およびhは一般式(8) におけるそれぞれ R^{10} 、 R^{11} 、f、 R^{12} およびhと同義である。]

前記課題は、さらに、(A)フォトレジスト用感放射線性酸発生剤としてオニウム塩化合物(1)から選ばれる少なくとも1種の感放射線性酸発

生剤および (B) 酸解離性基を有するアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂であって、該酸解離性基が解離したときにアルカリ易溶性となる樹脂を含有することを特徴とするポジ型感放射線性樹脂組成物によって達成される。

上記ポジ型感放射線性樹脂組成物のうち、フォトレジスト用感放射線性酸発生剤としてオニウム塩化合物 (2) から選ばれる少なくとも1種の感放射線性酸発生剤を含むものが好ましい。

上記ポジ型感放射線性樹脂組成物のうち、フォトレジスト用感放射線性酸発生剤としてオニウム塩化合物 (3) から選ばれる少なくとも1種の感放射線性酸発生剤を含むものが特に好ましい。

前記課題は、さらに、(A)フォトレジスト用感放射線性酸発生剤としてオニウム塩化合物(7)から選ばれる少なくとも1種の感放射線性酸発生剤および(B)酸解離性基を有するアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂であって、該酸解離性基が解離したときにアルカリ易溶性となる樹脂を含有することを特徴とするポジ型感放射線性樹脂組成物によって達成される。

図面の簡単な説明

図1は、酸発生剤 (A-1) のカチオン部分の質量分析スペクトルを示す 図である。

図2は、酸発生剤 (A-2) のカチオン部分の質量分析スペクトルを示す 図である。

図3は、酸発生剤 (A-3) のカチオン部分の質量分析スペクトルを示す 図である。

図4は、酸発生剤(A-4)のカチオン部分の質量分析スペクトルを示す 図である。

図5は、酸発生剤 (A-5) のカチオン部分の質量分析スペクトルを示す

図である。

図 6 は、酸発生剤 (A-6) のカチオン部分の質量分析スペクトルを示す 図である。

図7は、酸発生剤(A-7)のカチオン部分の質量分析スペクトルを示す図である。

図8は、酸発生剤(A-8)のカチオン部分の質量分析スペクトルを示す図である。

図9は、酸発生剤(A-9)のカチオン部分の質量分析スペクトルを示す図である。

図10は、酸発生剤(A-10)のカチオン部分の質量分析スペクトルを示す図である。

図11は、酸発生剤(A-11)のカチオン部分の質量分析スペクトルを示す図である。

図12は、酸発生剤(A-12)のカチオン部分の質量分析スペクトルを示す図である。

図13は、酸発生剤(A-13)のカチオン部分の質量分析スペクトルを示す図である。

図14は、酸発生剤(A-14)のカチオン部分の質量分析スペクトルを示す図である。

図15は、酸発生剤(A-15)のカチオン部分の質量分析スペクトルを示す図である。

図16は、酸発生剤(A-16)のカチオン部分の質量分析スペクトルを示す図である。

図17は、酸発生剤(A-17)のカチオン部分の質量分析スペクトルを示す図である。

図18は、酸発生剤(A-18)のカチオン部分の質量分析スペクトルを示す図である。

図19は、酸発生剤 (A-1) の 1 H - N M R 分析スペクトルを示す図である。

図20は、酸発生剤(A-2)の1H-NMR分析スペクトルを示す図である。

図21は、酸発生剤 (A-3) の 1 H-NMR分析スペクトルを示す図である。

図22は、酸発生剤(A-4)の1H-NMR分析スペクトルを示す図である。

図23は、酸発生剤(A-5)の1H-NMR分析スペクトルを示す図である。

図24は、酸発生剤(A-6)の1H-NMR分析スペクトルを示す図である。

図 2 5 は、酸発生剤 (A-7) の 1 H-NMR分析スペクトルを示す図である。

図26は、酸発生剤(A-8)の1H-NMR分析スペクトルを示す図である。

図27は、酸発生剤(A-9)の1H-NMR分析スペクトルを示す図である。

図28は、酸発生剤(A-10)の H-NMR分析スペクトルを示す図である。

図29は、酸発生剤(A-11)の1H-NMR分析スペクトルを示す図である。

図30は、酸発生剤 (A-12) の H-NMR分析スペクトルを示す図である。

図31は、酸発生剤(A-13)の1H-NMR分析スペクトルを示す図である。

図32は、酸発生剤 (A-14) の1H-NMR分析スペクトルを示す図

である。

図33は、酸発生剤(A-15)の1H-NMR分析スペクトルを示す図 である。

図34は、酸発生剤 (A-16) の H-NMR分析スペクトルを示す図である。

図35は、酸発生剤(A-17)の1H-NMR分析スペクトルを示す図である。

図36は、酸発生剤 (A-18) の¹ H-NMR分析スペクトルを示す図 である。

発明の詳細な説明

以下に、本発明について詳細に説明する。

<u>オニウム塩化合物 (1) ~ (6)</u>

一般式 (1) において、Aは硫黄原子が好ましく、またxは $1\sim3$ が好ましい。Ar¹ の非置換の炭素数 $6\sim2$ 0の $1\sim(x+1)$ 価の芳香族炭化水素基およびAr² の非置換の炭素数 $6\sim2$ 0の1 価の芳香族炭化水素基の炭素数は、好ましくは $6\sim1$ 2、さらに好ましくは $6\sim1$ 0、特に好ましくは $6\sim8$ である。

Ar 1 およびAr 2 の非置換の炭素数 6~20の1 価の芳香族炭化水素基の具体例としては、フェニル基、oートルイル基、mートルイル基、pートルイル基、ベンジル基、oーメチルベンジル基、mーメチルベンジル基、pーメチルベンジル基、2, 3ーキシリル基、2, 4ーキシリル基、2, 5ーキシリル基、2, 6ーキシリル基、3, 4ーキシリル基、3, 5ーキシリル基、メシチル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、9ーアントリル基等を挙げることができる。

また、A r 1 の非置換の炭素数 6 ~ 2 0 の 2 ~ (x + 1) 価の芳香族炭

化水素基としては、例えば、ベンゼン、トルエン、 o ーキシレン、mーキシレン、p ーキシレン、1, 3, 5 ートリメチルベンゼン、ナフタレン、アントラセン等に由来する基を挙げることができる。これらの基における2~(x+1)個の結合手は、芳香環を構成している炭素原子に結合してもよい。

また、Ar¹の非置換の炭素数3~20の1~(x+1)価の複素環式 基およびAr²の非置換の原子数3~20の1価の複素環式基は、複素環中に窒素原子、酸素原子、硫黄原子等のヘテロ原子を1個以上あるいは1 種以上含む基であり、該複素環式基の原子数は、好ましくは4~12、さ らに好ましくは5~10、特に好ましくは6~8である。

Ar 1 およびAr 2 の非置換の原子数 3 ~ 2 0 の 1 価の複素環式基の具体例としては、2 ーピリジル基、3 ーピリジル基、4 ーピリジル基、2 ーイミダゾリル基、4 ーイミダゾリル基、5 ーイミダゾリル基、2 ーモルホリニル基、3 ーモルホリニル基、2 ーピペリジニル基、3 ーピペリジニル基、4 ーピペリジニル基、2 ーピロリジニル基、3 ーピロリジニル基等を挙げることができる。

また、Ar¹の非置換の炭素数3~20の2~(x+1)価の複素環式 基としては、例えば、ピリジン、4-メチルピリジン、イミダゾリン、モ ルホリン、ピペリジン、ピロリジン等に由来する基を挙げることができる。 これらの基における2~(x+1)個の結合手は、複素環を構成している 炭素原子に結合しても側鎖炭素原子に結合してもよい。

基、n-ブチル基、t-ブチル基等)、炭素数1~4のヒドロキシアルキ ル基(例えば、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒド ロキシエチル基、1-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシプロピル基、 3-ヒドロキシプロピル基、1-ヒドロキシブチル基、2-ヒドロキシブ チル基、3-ヒドロキシブチル基、4-ヒドロキシブチル基等)、炭素数 1~4のアルコキシル基(例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポ キシ基、i-プロポキシ基、n-ブトキシ基、2-メチルプロポキシ基、 1-メチルプロポキシ基、t-ブトキシ基等)、シアノ基、炭素数2~5 のシアノアルキル基 (例えば、シアノメチル基、2-シアノエチル基、3 シアノプロピル基、4-シアノブチル基等)、炭素数2~5のアルキル カルボニルオキシ基(例えば、メチルカルボニルオキシ基、エチルカルボ ニルオキシ基、t-ブチルカルボニルオキシ基等)、炭素数2~5のアル コキシカルボニル基(例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニ ル基、t-ブトキシカルボニル基等)、炭素数3~10のアルコキシカル ボニルアルコキシ基(例えば、メトキシカルボニルメトキシ基、エトキシ カルボニルメトキシ基、t-ブトキシカルボニルメトキシ基等)、ハロゲ ン原子(例えば、フッ素原子、塩素原子等)、炭素数1~4のフルオロア ルキル基(例えば、フルオロメチル基、トリフルオロメチル基、ペンタフ ルオロエチル基等)等を挙げることができる。

これらの置換基は、 Ar^1 および Ar^2 中にそれぞれ 1 個以上あるいは 1 種以上存在することができる。

また、一般式 (1) でいう「 Ar^{-1} と Ar^{-2} は相互に結合して、一般式 (1) 中の A^{+} と共に原子数 $3\sim 8$ の環状構造を有する基を形成してお り」とは、 Ar^{-1} および Ar^{-2} からそれぞれ 1 個の原子または 1 個の基を 除去して形成された 2 つの残基が直接結合するか、該 2 つの残基が他の 2 価の原子 (例えば、酸素原子、硫黄原子等) または 2 価の結合基 (例えば、メチレン基、 1 、 1 - エチレン基、 1 、 2 - エチレン基等のアルキレン基

や、-NH-基、-CO-基、-SO₂-基等)を介して結合することにより、一般式(1)中のA+と共に原子数3~8の環状構造を有する基を 形成しているという意味である。

この場合、該環状構造の原子数は、 A^+ を含めて、好ましくは $5\sim6$ である。

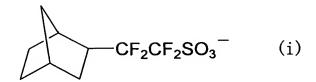
一般式(1)、(2)、(4)、(5)、(6)中に複数存在するAr1 およびAr ² はそれぞれ、相互に同一でも異なってもよい。

また、オニウム塩化合物(1)~(6)におけるアニオン部分としては、例えば、スルホン酸アニオン、MX。(但し、Mはほう素原子、燐原子、砒素原子またはアンチモン原子を示し、Xはハロゲン原子を示し、aは4~6の整数である。)、ハロゲンアニオン、過塩素酸アニオン、硝酸アニオン、りん酸アニオン、フルオロりん酸アニオン、トリフルオロ酢酸アニオン等を挙げることができる。

これらのアニオンのうち、特にスルホン酸アニオンが好ましく、その具体例としては、 CH_3SO_3- 、 $n-C_4H_9SO_3-$ ($n-ブタンスルホン酸アニオン)、<math>n-C_8H_{17}SO_3-$ (n-オクタンスルホン酸アニオン)、

p-CH₃C₆H₄SO₃-(p-トルエンスルホン酸アニオン)、
CF₃SO₃-、n-C₄F₉SO₃-(ノナフルオロ-n-ブタンスル
ホン酸アニオン)、n-C₆F₁₇SO₃-(パーフルオロ-n-オクタ
ンスルホン酸アニオン)、下記式(i)で表されるスルホン酸アニオン
(以下、「スルホン酸アニオン(i)」という。)等を挙げることができ、
特に好ましくは、

CF₃SO₃-、n-C₄F₉SO₃-、スルホン酸アニオン(i)等である。



オニウム塩化合物 (1)

一般式(1)において、Pは-O-SO2R1、-O-S(O)R2または-SO2R3を示す。

 $-O-SO_2R^1$ 、-O-S(O) R^2 および $-SO_2R^3$ における R^1 、 R^2 、 R^3 および R^3 の非置換の炭素数 $1\sim 2$ 0のアルキル基の炭素数は、好ましくは $1\sim 1$ 8、さらに好ましくは $1\sim 1$ 5、特に好ましくは $1\sim 1$ 2 である。

前記アルキル基の具体例としては、メチル基、エチル基、nープロピル 基、iープロピル基、nーブチル基、2-メチルプロピル基、1-メチル プロピル基、tーブチル基、nーペンチル基、nーヘキシル基、nーヘプ チル基、nーオクチル基、nーノニル基、nーデシル基、nーウンデシル 基、nードデシル基、tードデシル基、nートリデシル基、nーテトラデ シル基、nーペンタデシル基、nーヘキサデシル基、nーヘプタデシル基、 nーオクタデシル基、nーノナデシル基、nーエイコシル基等を挙げるこ とができる。

また、R¹、R²、R³およびR¹の非置換の炭素数 $3 \sim 2001$ 価の脂環式炭化水素基の炭素数は、好ましくは $3 \sim 18$ 、さらに好ましくは $3 \sim 12$ 、特に好ましくは $3 \sim 8$ である。

前記1価の脂環式炭化水素基の具体例としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等のシクロアルキル基; ノルボルニル基、トリシクロデカニル基、テトラシクロドデシル基、アダマンチル基、3ーメチルー1ーアダマンチル基、3ーエチルー3ーアダ

マンチル基、3-n-ブチル-1-アダマンチル基、3-n-ブチル-3-アダマンチル基等の炭素数6~20の有橋脂環式炭化水素基等を挙げることができる。

また、R¹、R²、R³およびR'の炭素数 $2 \sim 20$ のアルケニル基の炭素数は、好ましくは $2 \sim 18$ 、さらに好ましくは $2 \sim 15$ 、特に好ましくは $2 \sim 12$ である。

前記アルケニル基の具体例としては、ビニル基、イソプロペニル基、1-プロペニル基、2-プロペニル基等を挙げることができる。

また、R¹、R²、R³およびR'の非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基の炭素数は、好ましくは6~12、さらに好ましくは6~10、特に好ましくは6~8である。

前記1価の芳香族炭化水素基の具体例としては、フェニル基、oートルイル基、mートルイル基、pートルイル基、ベンジル基、oーメチルベンジル基、mーメチルベンジル基、pーメチルベンジル基、2,3ーキシリル基、2,4ーキシリル基、2,5ーキシリル基、2,6ーキシリル基、3,4ーキシリル基、5,5ーキシリル基、メシチル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、9ーアントリル基等を挙げることができる。

また、R¹、R²、R³およびR'の非置換の原子数3~20の1価の複素環式基は、複素環中に窒素原子、酸素原子、硫黄原子等のヘテロ原子を1個以上あるいは1種以上含む基であり、該1価の複素環式基の原子数は、好ましくは3~15、さらに好ましくは3~12、特に好ましくは3~7である。

前記1価の複素環式基の具体例としては、2-ピリジル基、3-ピリジル基、4-ピリジル基、2-イミダゾリル基、4-イミダゾリル基、5-イミダゾリル基、2-ピペリンニル基、3-モルホリニル基、2-ピペリジニル基、3-ピペリジニル基、2-ピロリジニル

基、3-ピロリジニル基等を挙げることができる。

また、R¹、R²、R³およびR'の置換の炭素数 1~20のアルキル基、置換の炭素数 3~20の1価の脂環式炭化水素基、置換の炭素数 6~20の1価の芳香族炭化水素基および置換の原子数 3~20の1価の複素環式基の置換基としては、例えば、前記Ar¹およびAr²の置換の炭素数 6~20の1価の芳香族炭化水素基および置換の原子数 3~20の1価の複素環式基について例示した置換基と同様のものを挙げることができる。但し、R¹のフッ素原子で置換した炭素数 1~20のアルキル基は、-SO²R¹基がその硫黄原子に直接結合した-CF²-を有する場合を含まない。

これらの置換基は、R¹、R²、R³およびR[']中にそれぞれ1個以上あるいは1種以上存在することができる。

この場合、該環状構造の原子数は、式中の窒素原子を含めて、好ましくは5~6である。

R¹、R²、R³およびR¹の好ましい具体例としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペナシル基、n-ペナナル基、n-ドデシル基、t-ドデシル基、n-ペキサドデシル基、シクロペンチル

基、シクロヘキシル基、ノルボニル基、5-オキソー2-ノルボニル基、(2-オキソー7,7-ジメチルー1-ノルボニル)メチル基、pートルイル基、ベンジル基、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、カンホロイル基等を挙げることができる。

また、 R^1 、 R^2 および R^3 としては、-N (R')₂ 基も好ましく、さらに好ましくは、-N (CH_3)₂ 基、-N (C_2 H_5)₂ 基等である。また、 R^2 、 R^3 およびR'としては、トリフルオロメチル基、ノナフル

また、R²、R²およびR²としては、F³フルオロクラルを、ファフルオローn-ブチル基、パーフルオローn-オクチル基、メトキシカルボニルジフルオロメチル基等も好ましい。

一般式(1)において、複数存在する-O-SO2R1、-O-S

(O) R 2 または $^-$ S O $_2$ R 3 は相互に同一でも異なってもよく、また複数存在する $^-$ N (R') $_2$ 基は相互に同一でも異なってもよい。

オニウム塩化合物 (1) の好ましい具体例としては、下記式 (1-1) ~ (1-24) で表される化合物等を挙げることができる。

$$-S^{\pm}$$

$$-OSO_{2}-CH_{2}(CH_{2})_{2}CH_{3}$$

$$-CF_{2}CF_{2}SO_{3}^{-}$$

$$(1-2)$$

$$CF_3SO_3^ COSO_2 - CH_2(CH_2)_2CH_3$$
 (1-3)

$$OSO_2-CH_2(CH_2)_2CH_3$$

$$OSO_3-CH_2(CH_2)_2CH_3$$

$$OSO_3-CH_2(CH_2)_2CH_3$$

$$OSO_3-CH_2(CH_2)_2CH_3$$

$$OSO_2-CH_2(CH_2)_2CH_3$$

$$OSO_3-CH_2(CH_2)_2CH_3$$

$$OSO_3-CH_2(CH_2)_2CH_3$$

$$OSO_3-CH_2(CH_2)_2CH_3$$

$$CH_{3}(CH_{2})_{2}CH_{2} - O_{2}SO - S^{+} - OSO_{2} - CH_{2}(CH_{2})_{2}CH_{3}$$

$$CH_{3}(CH_{2})_{2}CH_{2} - O_{2}SO - CH_{2}(CH_{2})_{2}CH_{3}$$

$$CH_{3}(CH_{2})_{2}CH_{2} - OSO_{2} - CH_{2}(CH_{2})_{2}CH_{3}$$

$$CH_{3}(CH_{2})_{2}CH_{3} - OSO_{2} - CH_{2}(CH_{2})_{2}CH_{3}$$

$$H_3C$$
 CH_3
 S^+
 OSO_2
 CH_2
 O
 OSO_2
 OSO_3
 OSO_3
 OSO_3
 OSO_3

$$OSO_2$$
— $CH_2(CH_2)_2CH_3$ (1-9)

$$S^{\pm}$$
 SO_2 $CH_2(CH_2)_2CH_3$ (1-10)

$$S^{\pm} \longrightarrow SO_2 - CH_2(CH_2)_2CH_3 \qquad (1-11)$$

$$-CF_2CF_2SO_3^-$$

$$S^{\pm}$$
 SO_2 $CH_2(CH_2)_2CH_3$ (1-12) $CF_3SO_3^-$

$$S^{\pm} \longrightarrow SO_2 - C(CH_3)_3 \qquad (1-13)$$

$$n-C_4F_9SO_3^{-}$$

$$S^{+} \longrightarrow SO_{2} - CF_{2}(CF_{2})_{2}CF_{3} \qquad (1-14)$$

$$n-C_{4}F_{9}SO_{3}^{-}$$

$$SO_2$$
— $CH_2(CH_2)_2CH_3$

$$O_2 - CH_2(CH_2)_2CH_3$$

$$O_3 - C_4F_9SO_3$$

$$S^{\pm} \longrightarrow SO_2 - CH_2 \longrightarrow (1-19)$$

$$n-C_4F_9SO_3$$

$$S^{\pm}$$
 SO_2 CH_3 (1-20) $CF_2CF_2SO_3^-$

$$\begin{array}{c|c}
\hline
 & S^{\pm} \\
\hline
 & SO_2 - CH_2 \\
\hline
 & n-C_4F_9SO_3
\end{array}$$
(1-21)

$$SO_2$$
— $CH_2(CH_2)_2CH_3$
 SO_2 — $CH_2(CH_2)_2CH_3$
 SO_2 — SO_2 — SO_2 — SO_2 — SO_2 — SO_3 — SO

$$CH_{3}(CH_{2})_{2}CH_{2} -SO_{2} -S^{+} -SO_{2} -CH_{2}(CH_{2})_{2}CH_{3}$$

$$CH_{3}(CH_{2})_{2}CH_{2} -SO_{2} -CH_{2}(CH_{2})_{2}CH_{3}$$

$$CH_{3}(CH_{2})_{2}CH_{2} -SO_{2} -CH_{2}(CH_{2})_{2}CH_{3}$$

$$CH_{3}(CH_{2})_{2}CH_{3} -CH_{2}(CH_{2})_{2}CH_{3}$$

$$CH_{3}(CH_{2})_{2}CH_{3} -CH_{2}(CH_{2})_{2}CH_{3}$$

$$CH_{3}(CH_{2})_{2}CH_{3} -CH_{2}(CH_{2})_{2}CH_{3}$$

$$CH_{3}(CH_{2})_{2}CH_{3} -CH_{2}(CH_{2})_{2}CH_{3}$$

$$CH_{3}(CH_{2})_{2}CH_{3} -CH_{2}(CH_{2})_{2}CH_{3}$$

$$CH_{3}(CH_{2})_{2}CH_{3} -CH_{2}(CH_{2})_{2}CH_{3}$$

オニウム塩化合物(1)は、特に、集積回路素子の製造に代表される微細加工の分野に用いられるフォトレジストとして有用な感放射線性樹脂組成物において、活性放射線、例えば、KrFエキシマレーザー、ArFエキシマレーザー、

F2 エキシマレーザー、EUV等に代表される(超)遠紫外線、電子線の如き各種の放射線に感応する感放射線性酸発生剤として極めて好適に使用できるほか、加熱により酸を発生する熱酸発生剤や、他の関連するオニウム塩化合物の合成原料等としても有用である。

オニウム塩化合物 (2)

一般式(2)において、R * の1 価の有機基としては、例えば、置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数3~20の1価の脂環式炭化水素基、炭素数2~20のアルケニル基、置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは非置換の炭素数2~20のアルコキシカルボニル基、置換もしくは非置換の炭素数2~20のアルコキシカルボニル基、置換もしくは非置換の炭素

数3~20のアルコキシカルボニルアルコキシ基等を挙げることができる。

- 般式 (2) において、R 4 の非置換の炭素数 1 ~ 2 0 のアルキル基の 炭素数は、好ましくは1~18、さらに好ましくは1~15、特に好まし くは1~12であり、非置換の炭素数3~20の1価の脂環式炭化水素基 の炭素数は、好ましくは3~18、さらに好ましくは3~12、特に好ま しくは3~8であり、炭素数2~20のアルケニル基の炭素数は、好まし くは2~18、さらに好ましくは2~15、特に好ましくは2~12であ り、非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基の炭素数は、好ま しくは6~12、さらに好ましくは6~10、特に好ましくは6~8であ り、非置換の原子数3~20の1価の複素環式基は、複素環中に窒素原子、 酸素原子、硫黄原子等のヘテロ原子を1個以上あるいは1種以上含む基で あり、該1価の複素環式基の原子数は、好ましくは3~15、さらに好ま しくは3~12、特に好ましくは3~7であり、非置換の炭素数2~20 のアルコキシカルボニル基の炭素数は、好ましくは2~18、さらに好ま しくは2~15、特に好ましくは2~12であり、非置換の炭素数3~2 0のアルコキシカルボニルアルコキシ基の炭素数は、好ましくは3~18、 さらに好ましくは3~15、特に好ましくは3~12である。

R ⁴ の前記非置換のアルキル基、非置換の1 価の脂環式炭化水素基、アルケニル基、非置換の1 価の芳香族炭化水素基および非置換の1 価の複素環式基としては、例えば、前記R ¹ 、R ² 、R ³ およびR' について例示したそれぞれ対応する基と同様のものを挙げることができる。

また、R→の非置換の炭素数 2~20のアルコキシカルボニル基としては、例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、tーブトキシカルボニル基等を挙げることができる。

また、R → の非置換の炭素数 3 ~ 2 0 のアルコキシカルボニルアルコキシ基としては、例えば、メトキシカルボニルメトキシ基、エトキシカルボニルメトキシ基等を挙げることがで

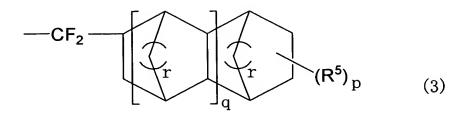
きる。

また、R→の前記アルキル基、1 価の脂環式炭化水素基、1 価の芳香族炭化水素基、1 価の複素環式基、アルコキシカルボニル基およびアルコキシカルボニルアルコキシ基の置換基としては、例えば、前記Ar 1 およびAr 2 の置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基および置換の原子数3~20の1価の複素環式基について例示した置換基と同様のものを挙げることができる。

R→の好ましい具体例としては、フッ素原子、ニトロ基、シアノ基、メ チル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、2 ーメチルプロピル基、1-メチルプロピル基、t-ブチル基、n-ペンチ ル基、ネオペンチル基、nーヘキシル基、nーヘプチル基、nーオクチル 基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、フルオロメチル基、ジフルオ ロメチル基、トリフルオロメチル基、1,1-ジフルオロエチル基、ペン タフルオロエチル基、1,1-ジフルオローn-プロピル基、1,1,2 ,2-テトラフルオロ-n-プロピル基、ヘプタフルオロ-n-プロピル 基、1、1-ジフルオローn-ブチル基、1,1,2,2-テトラフルオ ローn-ブチル基、1,1,2,2,3,3-ヘキサフルオローn-ブチ ル基、ノナフルオロ-n-ブチル基、1,1-ジフルオロ-n-ヘキシル 基、1,1,2,2-テトラフルオローn-ヘキシル基、1,1,2,2 . 3. 3-ヘキサフルオローnーヘキシル基、1, 1, 2, 2, 3, 3, 4、4-オクタフルオローn-ヘキシル基、1,1,2,2,3,3,4 , 4, 5, 5-デカフルオロ-n-ヘキシル基、パーフルオロ-n-ヘキ シル基、パーフルオローnーヘプチル基、3-フルオロシクロペンチル基、 パーフルオロシクロペンチル基、4-フルオロシクロヘキシル基、パーフ ルオロシクロヘキシル基、下記一般式(3)で表される基(以下、「含 フッ素置換基(3)」という。)等を挙げることができる。

これらの置換基のうち、特に、フルオロアルキル基、含フッ素置換基

(3) 等が好ましい。



[一般式(3)において、R 5 は置換もしくは非置換の炭素数 1 ~ 2 0 のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数 3 ~ 2 0 の 1 価の脂環式炭化水素基、炭素数 2 ~ 2 0 のアルケニル基、置換もしくは非置換の炭素数 6 ~ 2 0 の 1 価の芳香族炭化水素基、置換もしくは非置換の原子数 3 ~ 2 0 の 1 価の複素環式基または一N(R²) 2 基(R² は水素原子、置換もしくは非置換の炭素数 1 ~ 2 0 のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数 3 ~ 2 0 の 1 価の脂環式炭化水素基、炭素数 2 ~ 2 0 のアルケニル基、置換もしくは非置換の炭素数 6 ~ 2 0 の 1 価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の炭素数 6 ~ 2 0 の 1 価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の原子数 3 ~ 2 0 の 1 価の複素環式基を示すか、あるいは 2 個の R'、が相互に結合して、式中の窒素原子と共に原子数 3 ~ 8 の環状構造を有する基を形成している。)を示し、pは 0 ~ 1 6 の整数であり、 qは 0 ~ 8 の整数であり、 r は 1 ~ 3 の整数である。〕

一般式(3)において、R 5 およびR 2 の非置換の炭素数 $1 \sim 20$ のアルキル基の炭素数は、好ましくは $1 \sim 18$ 、さらに好ましくは $1 \sim 15$ 、特に好ましくは $1 \sim 12$ であり、非置換の炭素数 $3 \sim 20$ の 1 価の脂環式炭化水素基の炭素数は、好ましくは $3 \sim 18$ 、さらに好ましくは $3 \sim 12$ 、特に好ましくは $3 \sim 8$ であり、炭素数 $2 \sim 20$ のアルケニル基の炭素数は、好ましくは $2 \sim 18$ 、さらに好ましくは $2 \sim 15$ 、特に好ましくは $2 \sim 12$ 2 であり、非置換の炭素数 $6 \sim 20$ の 1 価の芳香族炭化水素基の炭素数は、好ましくは $6 \sim 12$ 、さらに好ましくは $6 \sim 10$ 、特に好ましくは $6 \sim 8$

であり、非置換の原子数3~20の1価の複素環式基は、複素環中に窒素原子、酸素原子、硫黄原子等のヘテロ原子を1個以上あるいは1種以上含む基であり、該1価の複素環式基の原子数は、好ましくは3~15、さらに好ましくは3~12、特に好ましくは3~7である。

R 5 およびR 2 の前記非置換のアルキル基、非置換の1 価の脂環式炭化水素基、アルケニル基、非置換の1 価の芳香族炭化水素基および非置換の1 価の複素環式基としては、例えば、前記R 1 、R 2 、R 3 およびR について例示したそれぞれ対応する基と同様のものを挙げることができる。

また、R 5 およびR 2 の前記アルキル基、1 価の脂環式炭化水素基、1 価の芳香族炭化水素基および1 価の複素環式基の置換基としては、例えば、前記A r 1 およびA r 2 の置換の炭素数 6~20の1 価の芳香族炭化水素基および置換の原子数 3~20の1 価の複素環式基について例示した置換基と同様のものを挙げることができる。これらの置換基は、R 5 および R 2 中にそれぞれ1 個以上あるいは1 種以上存在することができる。

この場合、該環状構造の原子数は、式中の窒素原子を含めて、好ましくは5~6である。

R 5 およびR ² の好ましい具体例としては、メチル基、エチル基、n - プロピル基、i - プロピル基、n - ブチル基、t - ブチル基、n - ペンチ

ル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、n-ドデシル 基、t-ドデシル基、n-ヘキサドデシル基、シクロペンチル基、シクロ ヘキシル基、ノルボニル基、5-オキソー2-ノルボニル基、(2-オキ ソー7,7-ジメチルー1-ノルボニル)メチル基、p-トルイル基、ベ ンジル基、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、トリフルオロ メチル基、ノナフルオローn-ブチル基、パーフルオローn-オクチル基、 メトキシカルボニルジフルオロメチル基、カンホロイル基等を挙げること ができる。

また、R 5 としては、- N (R 2) $_{2}$ 基も好ましく、さらに好ましくは、- N (C $_{2}$ H $_{5}$) $_{2}$ 基等である。

一般式(3)において、複数存在する R 5 は相互に同一でも異なってもよく、また複数存在する - N $(R^{2})_2$ 基は相互に同一でも異なってもよい。

一般式(3)において、pは0~2が好ましく、qは0~2が好ましく、pおよびqがともに0であることがさらに好ましく、特に、pおよびqがともに0であり、rがともに1であることが好ましい。

オニウム塩化合物 (2) の好ましい具体例としては、下記式 (2-1) ~ (2-9) で表される化合物等を挙げることができる。

$$CF_{3}(CF_{2})_{2}CF_{2} - O_{2}SO - S^{+} - OSO_{2} - CF_{2}(CF_{2})_{2}CF_{3}$$

$$-C_{4}F_{9}SO_{3}^{-}$$

$$(2-2)$$

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & &$$

$$\begin{array}{c|c}
\hline
 & S^{+} \\
\hline
 & -OSO_{2} - CF_{2}CF_{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\hline
 & (2-8)
\end{array}$$

$$CF_3(CF_2)_2CF_2 - O_2SO - I^+ - OSO_2 - CF_2(CF_2)_2CF_3$$

$$n-C_4F_9SO_3 - (2-9)$$

オニウム塩化合物(2)は、特に、集積回路素子の製造に代表される微細加工の分野に用いられるフォトレジストとして有用な感放射線性樹脂組成物において、活性放射線、例えば、KrFエキシマレーザー、ArFエキシマレーザー、F2エキシマレーザー、EUV等に代表される(超)遠紫外線、電子線の如き各種の放射線に感応する感放射線性酸発生剤として極めて好適に使用できるほか、加熱により酸を発生する熱酸発生剤や、他の関連するオニウム塩化合物の合成原料等としても有用である。

オニウム塩化合物 (4)

一般式(4)において、R 6 およびR 3 の非置換の炭素数 1 ~ 2 0 の 2 アルキル基、非置換の炭素数 3 ~ 2 0 の 1 価の脂環式炭化水素基、炭素数 2 ~ 2 0 のアルケニル基、非置換の炭素数 6 ~ 2 0 の 1 価の芳香族炭化水素基および非置換の原子数 3 ~ 2 0 の 1 価の複素環式基としては、例えば、前記一般式(1)における 1 、 2 、 2 、 2 および 3 について例示したそれぞれ対応する基と同様のものを挙げることができる。

また、これらの基の置換基としては、前記 Ar^1 および Ar^2 の置換の芳香族炭化水素基および置換の複素環式基について例示した置換基と同様のものを挙げることができる。 これらの置換基は、 R^6 および R^{3} 中にそれぞれ 1 個以上あるいは 1 種以上存在することができる。

また、R ⁶ の - N (R ^{3'}) 2 基についていう「2 個の R ^{3'} が相互に結合

して、式中の窒素原子と共に原子数 3~8の環状構造を有する基を形成している」とは、2個のR³ からそれぞれ1個の原子または1個の基を除去して形成された2つの残基が直接結合するか、該2つの残基が他の2価の原子(例えば、窒素原子、酸素原子、硫黄原子等)または2価の結合基(例えば、メチレン基、1,2ーエチレン基等のアルキレン基や、-NH-基、-CO-基、-SO2-基等)を介して結合することにより、-N(R³)2基中の窒素原子と共に原子数3~8の環状構造を有する基を形成しているという意味である。

この場合、該環状構造の原子数は、 $-N(R^{3})_2$ 基中の窒素原子を含めて、好ましくは $5\sim6$ である。

一般式 (4) において、R 6 の好ましい具体例としては、前記一般式 (1) におけるR 1、R 2、R 3 の好ましい具体例として挙げた基と同様 のものを挙げることができ、またR 3 の好ましい具体例としては、前記一般式 (1) におけるR の好ましい具体例として挙げた基と同様のものを 挙げることができる。

一般式(4)において、複数存在するR G は相互に同一でも異なってもよい。

一般式 (4) において、pは0~2が好ましく、qは1~3が好ましい。 オニウム塩化合物 (4) の好ましい具体例としては、下記式 (4-1) ~ (4-4) で表される化合物等を挙げることができる。

$$SO_2$$
 SO_2
 SO_2
 SO_2
 SO_2
 SO_2
 SO_2
 SO_2
 SO_2
 SO_3
 SO_2
 SO_2
 SO_3
 SO_2
 SO_2
 SO_3
 SO_2
 SO_2
 SO_3
 SO_2
 SO_3

オニウム塩化合物(4)は、特に、集積回路素子の製造に代表される微細加工の分野に用いられる化学増幅型フォトレジストにおいて、活性放射線、例えば、KrFエキシマレーザー、ArFエキシマレーザー、F2エキシマレーザー、EUV等に代表される(超)遠紫外線、電子線の如き各種の放射線に感応する感放射線性酸発生剤として極めて好適に使用できる

ほか、加熱により酸を発生する熱酸発生剤や、他の関連するオニウム塩化 合物の合成原料等としても有用である。

オニウム塩化合物 (5)

一般式 (5) において、R 7 およびR 4 の非置換の炭素数 $1 \sim 20$ のアルキル基、非置換の炭素数 $3 \sim 20$ の 1 価の脂環式炭化水素基、炭素数 $2 \sim 20$ のアルケニル基、非置換の炭素数 $6 \sim 20$ の 1 価の芳香族炭化水素基 および非置換の原子数 $3 \sim 20$ の 1 価の複素環式基としては、例えば、前記一般式 (1) におけるR 1 、R 2 、R 3 およびR 4 について例示したそれぞれ対応する基と同様のものを挙げることができる。

また、これらの基の置換基としては、前記 Ar^1 および Ar^2 の置換の 芳香族炭化水素基および置換の複素環式基について例示した置換基と同様 のものを挙げることができる。これらの置換基は、 R^7 および R^{4} 中に それぞれ 1 個以上あるいは 1 種以上存在することができる。

また、R 7 の $^{-}$ N (R $^{4'}$) $_{2}$ 基についていう「2個のR $^{4'}$ が相互に結合して、式中の窒素原子と共に原子数 $_{3}$ $_{8}$ の環状構造を有する基を形成している」とは、2個のR $^{4'}$ からそれぞれ $_{1}$ 個の原子または $_{1}$ 個の基を除去して形成された $_{2}$ つの残基が直接結合するか、該 $_{2}$ つの残基が他の $_{2}$ 価の原子(例えば、窒素原子、酸素原子、硫黄原子等)または $_{2}$ 価の結合基(例えば、メチレン基、 $_{1}$ $_{2}$ $_{2}$ $_{2}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{4}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{4}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{9}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$

この場合、該環状構造の原子数は、 $-N(R^{4'})_2$ 基中の窒素原子を含めて、好ましくは $5\sim6$ である。

一般式 (5) において、R 7 の好ましい具体例としては、前記一般式 (1) におけるR 1 、R 2 、R 3 およびR 7 の好ましい具体例として挙げた

基と同様のものを挙げることができ、また R ⁴ の好ましい具体例としては、 前記一般式 (1) における R の好ましい具体例として挙げた基と同様の ものを挙げることができる。

一般式 (5) において、複数存在する R 7 は相互に同一でも異なっても よい。

一般式 (5) において、s は 0 \sim 2 が好ましく、t は 0 \sim 2 が好ましく、u は 1 または 2 が好ましい。

オニウム塩化合物 (5) の好ましい具体例としては、下記式 (5-1) \sim (5-2) で表される化合物等を挙げることができる。

$$SO_2$$
 SO_2
 SO_2

オニウム塩化合物(5)は、特に、集積回路素子の製造に代表される微細加工の分野に用いられる化学増幅型フォトレジストにおいて、活性放射線、例えば、KrFエキシマレーザー、ArFエキシマレーザー、F2エキシマレーザー、EUV等に代表される(超)遠紫外線、電子線の如き各種の放射線に感応する感放射線性酸発生剤として極めて好適に使用できるほか、加熱により酸を発生する熱酸発生剤や、他の関連するオニウム塩化合物の合成原料等としても有用である。

オニウム塩化合物 (6)

一般式(6)において、R 8 およびR 9 の非置換の炭素数 $1 \sim 20$ のアルキル基および非置換の炭素数 $3 \sim 20$ の 1 価の脂環式炭化水素基としては、例えば、前記一般式(1)におけるR 1 、R 2 、R 3 および R 7 について例示したそれぞれ対応する基と同様のものを挙げることができる。

また、これらの基の置換基としては、前記 Ar^1 および Ar^2 の置換の芳香族炭化水素基および置換の複素環式基について例示した置換基と同様のものを挙げることができる。これらの置換基は、 R^8 および R^9 中にそれぞれ 1 個以上あるいは 1 種以上存在することができる。

また、R®およびR®についていう「R®およびR®が相互に結合して、式中の1個の炭素原子および2個の酸素原子と共に原子数4~10の環状構造を有する基を形成しており」とは、R®およびR®からそれぞれ1個の原子または1個の基を除去して形成された2つの残基が直接結合するか、該2つの残基が他の2価の原子(例えば、酸素原子、硫黄原子等)または2価の結合基(例えば、メチレン基、1,2ーエチレン基、1,2ージメチルー1,2ーエチレン基、トリメチレン基等のアルキレン基や、-NH-基、-CO-基、

- S O 2 - 基等)を介して結合することにより、式中の1個の炭素原子および2個の酸素原子と共に原子数4~10の環状構造を有する基を形成し

ているという意味である。

この場合、該環状構造の原子数は、式中の1個の炭素原子および2個の酸素原子を含めて、好ましくは5~6である。

一般式 (6) における R ⁸ および R ⁹ の好ましい具体例としては、メチル基、エチル基、 n ープロピル基、 i ープロピル基、 n ーブチル基、 t ーブチル基、 n ーペンチル基、 n ーヘキシル基、 n ーヘプチル基、 n ーオクチル基、 n ートデジル基、 t ードデシル基、 n ーヘキサドデシル基、 シクロペナル基、 y クロペキシル基、 J ルボニル基、 p ートルイル基、 ベンジル基、 フェニル基、 1 ーナフチル基、 2 ーナフチル基、 トリフルオロメチル基、 J ナフルオロー n ーブチル基、 パーフルオロー n ーオクチル基、 メトキシカルボニルジフルオロメチル基、 カンホロイル基や、 R ³ と R ⁴ が相互に結合して形成した 1 , 2 ーエチレン基、 1 , 2 ージメチルー 1 , 2 ーエチレン基、 トリメチレン基、 3 , 4 ーテトラヒドロプラニレン基等を挙げることができる。

一般式(6)中に複数存在するR⁸およびR⁹はそれぞれ相互に同一で も異なってもよい。

一般式(6)において、v およびw はそれぞれ、好ましくは $1\sim3$ 、さらに好ましくは $1\sim2$ である。

オニウム塩化合物(6)の好ましい具体例としては、下記式(6-1) \sim (6 - 7)で表される化合物等を挙げることができる。

$$\begin{array}{c|c}
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\$$

$$\begin{array}{c|c}
\hline
 & S^{\pm} \\
\hline
 & SO_2 \\
\hline
 & O \\
\hline
 &$$

$$\begin{array}{c|c}
\hline
 & S^{\pm} \\
\hline
 & SO_2 \\
\hline
 & O \\
\hline
 & CH_3
\end{array}$$
(6-3)

$$\begin{array}{c|c}
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\$$

$$\begin{array}{c|c}
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & &$$

$$SO_2$$
 SO_2
 SO_2

オニウム塩化合物(6)は、特に、集積回路素子の製造に代表される微細加工の分野に用いられる化学増幅型フォトレジストにおいて、活性放射線、例えば、KrFエキシマレーザー、ArFエキシマレーザー、F2エキシマレーザー、EUV等に代表される(超)遠紫外線、電子線の如き各種の放射線に感応する感放射線性酸発生剤として極めて好適に使用できる

ほか、加熱により酸を発生する熱酸発生剤や、他の関連するオニウム塩化合物の合成原料等としても有用である。

オニウム塩化合物 (7)

一般式 (7) において、Ar ³ の非置換の炭素数 $6 \sim 2$ 0 の 2 価の芳香族炭化水素基の炭素数は、好ましくは $6 \sim 1$ 2、さらに好ましくは $6 \sim 1$ 0、特に好ましくは $6 \sim 8$ である。

前記2価の芳香族炭化水素基としては、例えば、ベンゼン、トルエン、oーキシレン、mーキシレン、pーキシレン、1,3,5ートリメチルベンゼン、ナフタレン、アントラセン等に由来する基を挙げることができる。これらの2価の芳香族炭化水素基における2つの結合手は、芳香環を構成している炭素原子に結合しても側鎖炭素原子に結合してもよい。

また、Ar³の非置換の原子数3~20の2価の複素環式基は、複素環中に窒素原子、酸素原子、硫黄原子等のヘテロ原子を1個以上あるいは1種以上含む基であり、該1価の複素環式基の原子数は、好ましくは4~12、さらに好ましくは5~10、特に好ましくは6~8である。

前記2価の複素環式基としては、例えば、ピリジン、4ーメチルピリジン、イミダゾリン、モルホリン、ピペリジン、ピロリジン等に由来する基を挙げることができる。これらの2価の複素環式基における2つの結合手は、複素環を構成している炭素原子に結合しても側鎖炭素原子に結合してもよい。

また、 Ar^3 の置換の炭素数 $6\sim20$ の 2 価の芳香族炭化水素基および置換の原子数 $3\sim20$ の 2 価の複素環式基における置換基としては、例えば、前記 Ar^1 および Ar^2 の置換の芳香族炭化水素基および置換の複素環式基について例示した置換基と同様のものを挙げることができる。

これらの置換基は、Ar³中に1個以上あるいは1種以上存在することができる。

また、R 1 $^{\circ}$ 、R 1 1 および R' の非 置換の炭素数 1 $^{\circ}$ 2 $^{\circ}$ 0 の $^{\circ}$ ルキル基、非 置換の炭素数 3 $^{\circ}$ 2 $^{\circ}$ 0 の $^{\circ}$ 1 価の 脂環式炭化 水素基、炭素数 2 2 $^{\circ}$ 0 の $^{\circ}$ アルケニル基、非 置換の炭素数 6 $^{\circ}$ 2 $^{\circ}$ 0 の $^{\circ}$ 1 価の 芳香族炭化 水素基 および 非 置換の原子数 3 $^{\circ}$ 2 $^{\circ}$ 0 の $^{\circ}$ 1 価の 複素環式基 と して は、 例 えば、 前 記一般式 (1) における R 1 、 R 2 、 R 3 および R 5 について 例示したそれぞれ 対応する基と 同様のものを挙げることができる。

また、これらの基の置換基としては、前記 Ar^1 および Ar^2 の置換の芳香族炭化水素基および置換の複素環式基について例示した置換基と同様のものを挙げることができる。 これらの置換基は、 R^1^0 、 R^1^1 および R^5 中にそれぞれ 1 個以上あるいは 1 種以上存在することができる。

また、 R^{1} ○および R^{1} 1 の -N (R^{5}) $_{2}$ 基についていう「2個の R^{5} が相互に結合して、式中の窒素原子と共に原子数 3 ~ 8 の環状構造を有する基を形成している」とは、2個の R^{5} からそれぞれ1個の原子または1個の基を除去して形成された2つの残基が直接結合するか、該2つの残基が他の2価の原子(例えば、窒素原子、酸素原子、硫黄原子等)または2価の結合基(例えば、メチレン基、1,2-xチレン基等のアルキレン基や、-NH-基、-CO-基、-SO $_{2}$ -基等)を介して結合することにより、-N (R^{5}) $_{2}$ 基中の窒素原子と共に原子数 3 ~ 8 の環状構造を有する基を形成しているという意味である。

この場合、該環状構造の原子数は、 $-N(R^{5'})_2$ 基中の窒素原子を含めて、好ましくは $5\sim6$ である。

一般式 (7) において、R ¹ ⁰ およびR ¹ ¹ の好ましい具体例としては、前記一般式 (1) におけるRの好ましい具体例として挙げた基と同様のものを挙げることができ、また

R⁵の好ましい具体例としては、前記一般式(1)におけるR⁷の好ましい具体例として挙げた基と同様のものを挙げることができる。

一般式 (7) において、複数存在する R 1 0 および R 1 1 はそれぞれ

相互に同一でも異なってもよい。

一般式 (7) において、e は $1 \sim 3$ が好ましく、f は $0 \sim 2$ が好ましく、g は $1 \sim 3$ が好ましい。

また、オニウム塩化合物(7)におけるアニオン部分としては、例えば、スルホン酸アニオン、 MX_{κ}^{-} (但し、Mはほう素原子、燐原子、砒素原子またはアンチモン原子を示し、Xはハロゲン原子を示し、Kは4~6の整数である。)、ハロゲンアニオン、過塩素酸アニオン、硝酸アニオン、りん酸アニオン、フルオロりん酸アニオン、トリフルオロ酢酸アニオン等を挙げることができる。

これらのアニオンのうち、特にスルホン酸アニオンが好ましく、その具体例としては、 $CH_3SO_3^-$ 、 $n-C_4H_9SO_3^-$ (n-ブタンスル ホン酸アニオン)、 $n-C_8H_{17}SO_3^-$ ($n-オクタンスルホン酸アニオン)、<math>p-CH_3C_6H_4SO_3^-$ (p-hルエンスルホン酸アニオン)、 $CF_3SO_3^-$ 、 $n-C_4F_9SO_3^-$ (ノナフルオローn-ブタンスルホン酸アニオン)、 $n-C_8F_{17}SO_3^-$ (パーフルオローn-オクタンスルホン酸アニオン)、スルホン酸アニオン(i)等を挙げることができ、特に好ましくは、 $CF_3SO_3^-$ 、 $n-C_4F_9SO_3^-$ 、スルホン酸アニオン(i)等である。

オニウム塩化合物 (7) の好ましい具体例としては、下記式 (7-1) ~ (7-10) で表される化合物等を挙げることができる。

$$SO_2$$
— CH_3
 SO_2 —
 S^+
 $n-C_4F_9SO_3$
 S^+
 S^+

$$SO_2$$
 SO_2
 SO_2
 SO_3
 S^+
 $CF_2CF_2SO_3$
 $(7-3)$
 $(7-4)$

$$SO_2$$
— $C(CH_3)_3$
 SO_2 — $C_4F_9SO_3$ — S_7
 S

$$SO_2$$
 SO_2 CF_3 SO_2 CF_3 S^+ $n-C_4F_9SO_3$ S^+ $n-C_4F_9SO_3$ $(7-8)$

$$SO_2$$
— CH_3 SO_2 — CH_3 SO_3 — $C_4F_9SO_3$ — S^+ $n-C_4F_9SO_3$ — $(7-9)$ $(7-10)$

オニウム塩化合物(7)は、特に、集積回路素子の製造に代表される微細加工の分野に用いられる化学増幅型フォトレジストにおいて、活性放射線、例えば、KrFエキシマレーザー、ArFエキシマレーザー、F2エキシマレーザー、EUV等に代表される(超)遠紫外線、電子線の如き各種の放射線に感応する感放射線性酸発生剤として極めて好適に使用できるほか、加熱により酸を発生する熱酸発生剤や、他の関連するオニウム塩化合物の合成原料等としても有用である。

オニウム塩化合物(8)

オニウム塩化合物 (8) は、オニウム塩化合物 (7) 中のAr³ 基が置

換もしくは非置換のナフタレンに由来する2価の基であり、そのS⁺ がナフタレン環の1-位に結合した化合物を示している。

一般式 (8) において、R ^{1 2} およびR ⁶ の非置換の炭素数 $1 \sim 20$ のアルキル基、非置換の炭素数 $3 \sim 20$ の 1 価の脂環式炭化水素基、炭素数 $2 \sim 20$ のアルケニル基、非置換の炭素数 $6 \sim 20$ の 1 価の芳香族炭化水素基および非置換の原子数 $3 \sim 20$ の 1 価の複素環式基としては、例えば、前記一般式 (1) における R ¹ 、R ² 、R ³ および R ⁷ について例示したそれぞれ対応する基と同様のものを挙げることができる。

また、これらの基の置換基としては、前記 Ar^1 および Ar^2 の置換の 芳香族炭化水素基および置換の複素環式基について例示した置換基と同様 のものを挙げることができる。 これらの置換基は、 R^1^2 および R^6 中 にそれぞれ 1 個以上あるいは 1 種以上存在することができる。

また、R 12 の $^{-}$ N(R $^{6'}$) $_{2}$ 基についていう「2個のR $^{6'}$ が相互に結合して、式中の窒素原子と共に原子数 3 ~8の環状構造を有する基を形成している」とは、2個のR $^{6'}$ からそれぞれ 1 個の原子または 1 個の基を除去して形成された 2 つの残基が直接結合するか、該 2 つの残基が他の 2 価の原子(例えば、窒素原子、酸素原子、硫黄原子等)または 2 価の結合基(例えば、メチレン基、 1 , 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 $^{$

この場合、該環状構造の原子数は、 $-N(R^{6'})_2$ 基中の窒素原子を含めて、好ましくは $5\sim6$ である。

一般式 (8) において、 R^{1} 〇、 R^{1} 1 および R^{1} 2 の好ましい具体例としては、前記一般式 (1) における R^{1} 、 R^{2} および R^{3} 6 の好ましい具体例として挙げた基と同様のものを挙げることができ、また R^{6} の好ましい具体例としては、前記一般式 (1) における R^{7} の好ましい具体例

として挙げた基と同様のものを挙げることができる。 一般式(8)において、複数存在するR¹⁰、R¹¹およびR¹²はそれぞれ相互に同一でも異なってもよい。

オニウム塩化合物 (8) の好ましい具体例としては、下記式 (8-1) ~ (8-2) で表される化合物等を挙げることができる。

$$CH_3$$
 O_2S
 O_2S

オニウム塩化合物(8)は、特に、集積回路素子の製造に代表される微細加工の分野に用いられる化学増幅型フォトレジストにおいて、活性放射線、例えば、KrFエキシマレーザー、ArFエキシマレーザー、F2エキシマレーザー、EUV等に代表される(超)遠紫外線、電子線の如き各種の放射線に感応する感放射線性酸発生剤として極めて好適に使用できるほか、加熱により酸を発生する熱酸発生剤や、他の関連するオニウム塩化合物の合成原料等としても有用である。

オニウム塩化合物 (9)

オニウム塩化合物 (9) は、オニウム塩化合物 (8) 中のスルホニウム

カチオンがテトラヒドロチオフェニウムカチオンをなしている化合物を示している。

オニウム塩化合物 (9) の好ましい具体例としては、下記式 (9-1) ~ (9-2) で表される化合物等を挙げることができる。

$$CH_3$$
 CH_3 CH_3

オニウム塩化合物(9)は、特に、集積回路素子の製造に代表される微細加工の分野に用いられる化学増幅型フォトレジストにおいて、活性放射線、例えば、KrFエキシマレーザー、ArFエキシマレーザー、F2エキシマレーザー、EUV等に代表される(超)遠紫外線、電子線の如き各種の放射線に感応する感放射線性酸発生剤として極めて好適に使用できるほか、加熱により酸を発生する熱酸発生剤や、他の関連するオニウム塩化合物の合成原料等としても有用である。

オニウム塩化合物 (10)

オニウム塩化合物 (10) は、オニウム塩化合物 (9) 中の e が 1 であり、その

- S O 2 R ⁵ 基がナフタレン環の4-位に結合した化合物を示している。 オニウム塩化合物(10)の好ましい具体例としては、下記式(101)~(10-8)で表される化合物等を挙げることができる。

$$SO_2$$
— CH_3
 SO_2 — CH_3
 SO_2 — $C_4F_9SO_3$ — S^+
 S^+

$$SO_2$$
— $C(CH_3)_3$ SO_2 — CF_3 SO_3 — S^+ $n-C_4F_9SO_3$ — S^+ $n-C_4F_9SO_3$ — $(10-4)$

$$SO_2$$
 SO_2 $N-C_4F_9SO_3$ $N-C_4$

$$SO_2$$
— $CH_2(CH_2)_2CH_3$ SO_2 — $CF_2CF_2SO_3$ — S^+ $n-C_4F_9SO_3$ — S^+ $(10-8)$

オニウム塩化合物(10)は、特に、集積回路素子の製造に代表される 微細加工の分野に用いられる化学増幅型フォトレジストにおいて、活性放 射線、例えば、KrFエキシマレーザー、ArFエキシマレーザー、F2 エキシマレーザー、EUV等に代表される(超)遠紫外線、電子線の如き 各種の放射線に感応する感放射線性酸発生剤として極めて好適に使用でき るほか、加熱により酸を発生する熱酸発生剤や、他の関連するオニウム塩 化合物の合成原料等としても有用である。

オニウム塩化合物の合成

オニウム塩化合物 (1) の合成

オニウム塩化合物(1)は、一般式(1)中Pが一〇一S〇2R1または一〇一S(〇)R2であるオニウム塩化合物(1)の場合、例えば、J. Am. Chem. Soc., Vol. 103, p. 7368-7370(1981)に記載されている方法により、下記反応式(a)に示すように、前駆オニウム塩化合物(1 1)と Z C 1(対応するスルホン酸クロライドまたはスルフィン酸クロライド)とを、塩基性触媒の存在下でエステル化反応させることにより合成することができる。また、オニウム塩化合物(2)もオニウム塩化合物(1)の合成方法と同様にして合成することができる。

反応式 (a)

$$(Ar^2)_{\overline{n}} A^{+} (Ar^1)_{\overline{n}} + ZCI \longrightarrow Onium salt compound (1)$$

Y

(11)

〔式中、Zは-SO $_{2}$ R $_{1}$ または-S(O)R $_{2}$ であり、A、A r 1 、m、A r 2 、n、および x は一般式(1)におけるそれぞれA、A r 1 、m、A r 2 、n、および x と同義であり、Y $^{-}$ は1価アニオンを示す。〕

エステル化反応時の Z C l の前駆オニウム塩化合物 (11) に対するモル比は、通常、1~100、好ましくは1.5~10である。

エステル化反応に使用される塩基性触媒としては、例えば、トリエチル

アミン、ピリジン、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム等挙げることができ、好ましくはトリエチルアミン、ピリジン等である。

エステル化反応時の塩基性触媒のZC1に対するモル比は、通常、 $1.0 \sim 10.0$ 、好ましくは $2.0 \sim 4.0$ である。

エステル化反応は、通常、例えば、トルエン、テトラヒドロフラン、ジ クロロメタン、ピリジン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド 等の非プロトン性有機溶媒中で行われる。

エステル化反応の条件は、反応温度が、通常、-40~+50 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 、好ましくは-20~+30 $^{\circ}$ $^{\circ}$ であり、反応時間が、通常、0.1~ $^{\circ}$ 72時間、好ましくは0.5~ $^{\circ}$ 3時間である。

また、一般式 (1) 中 P が - S O 2 R 3 であるオニウム塩化合物 (1) の場合、例えば、J. Org. Chem., Vol. 48, p. 605-609 (1983)に記載されている方法により、下記反応式 (b) に示す過程を経て合成することができる。

即ち、前駆オニウム塩化合物(12)とチオール化合物(13)とを塩 基性化合物の存在下で反応(以下、「チオエーテル化反応」という。)さ せることにより、-SR³基を有するオニウム塩化合物(14)に変換し たのち、オニウム塩化合物(14)を過酸化水素水等の酸化剤で酸化する ことにより、オニウム塩化合物(1)・を合成することができる。また、

Reaction Formula (b)

$$(Ar^{2})_{\overline{n}} A^{+}_{\overline{n}} (Ar^{1})_{\overline{n}} \qquad R^{3}SH \longrightarrow (Ar^{2})_{\overline{n}} A^{+}_{\overline{n}} (Ar^{1})_{\overline{n}} \qquad Y^{-}$$

$$(12) \qquad (13) \qquad (14)$$

前駆オニウム塩化合物(12)中のZの脱離性の1価の基としては、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子のほか、CH3SO3-基、p-CH3C6H4SO3-基(p-トルエンスルホネート残基)等を挙げることができ、好ましくはフッ素原子、塩素原子である。

チオエーテル化反応時のチオール化合物(13)の前駆オニウム塩化合物(12)に対するモル比は、通常、 $1\sim100$ 、好ましくは $1.5\sim10$ である。

チオエーテル化反応に使用される塩基性化合物としては、例えば、水酸 化カリウム、水酸化ナトリウム、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カ リウム、炭酸水素リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム等挙 げることができ、好ましくは水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等である。 チオエーテル化反応時の塩基性化合物のチオール化合物(13)に対するモル比は、通常、1.0~10.0、好ましくは2.0~4.0である。 チオエーテル化反応は、好ましくは有機溶媒と水との混合溶媒中で行われる。

前記有機溶媒としては、例えば、ジクロロメタン、クロロホルム、トルエン、ベンゼン、ヘキサン、酢酸エチル等が好ましく、さらに好ましくは ジクロロメタン、クロロホルム等である。

有機溶媒の使用割合は、有機溶媒と水との合計100重量部に対して、 通常、5重量部以上、好ましくは10重量部以上、さらに好ましくは20 ~90重量部である。

チオエーテル化反応の条件は、反応温度が、通常、 $-40 \sim +50 \circ \circ \circ$ 、好ましくは $-20 \sim +30 \circ \circ \circ \circ$ であり、反応時間が、通常、 $0.1 \sim 72$ 時間、好ましくは $0.5 \sim 3$ 時間である。なお、反応温度が有機溶媒あるいは水の沸点より高い場合は、オートクレーブなどの耐圧容器を使用する。

また、オニウム塩化合物(14)の酸化反応において、酸化剤としては、過酸化水素のほか、メタクロロ過安息香酸、 t ーブチルヒドロペルオキシド、ペルオキシ硫酸カリウム、過マンガン酸カリウム、過ホウ素酸ナトリウム、メタョウ素酸ナトリウム、クロム酸、ニクロム酸ナトリウム、ハロゲン、ョードベンゼンジクロリド、ヨードベンゼンジアセテート、酸化オスミウム (VII)、酸化ルテニウム (VII)、次亜塩素酸ナトリウム、亜塩素酸ナトリウム、酸素ガス、オゾンガス等を挙げることができ、好ましくは過酸化水素、メタクロロ過安息香酸、 t ーブチルヒドロペルオキシド等である。

酸化反応時の酸化剤のオニウム塩化合物 (14) に対するモル比は、通常、1.0~20.0、好ましくは1.5~10.0である。

また、前記酸化反応に際しては、酸化剤と共に、遷移金属触媒を併用することもできる。

前記遷移金属触媒としては、例えば、タングステン酸ニナトリウム、塩化鉄 (III)、塩化ルテニウム (III)、酸化セレン (IV) 等を挙げることができ、好ましくはタングステン酸ニナトリウムである。

酸化反応時の遷移金属触媒のオニウム塩化合物 (14) に対するモル比は、通常、0.001~2.0、好ましくは0.01~1.0、さらに好ましくは0.03~0.5である。

さらに、前記酸化反応に際しては、前記酸化剤および遷移金属触媒に加え、反応液のpH調整の目的で、緩衝剤を併用することもできる。

前記緩衝剤としては、例えば、リン酸水素ニナトリウム、リン酸ニ水素ナトリウム、リン酸水素ニカリウム、リン酸ニ水素カリウム等を挙げることができる。 酸化反応時の緩衝剤のオニウム塩化合物(14)に対するモル比は、通常、0.01~2.0、好ましくは0.03~1.0、さらに好ましくは0.05~0.5である。

前記酸化反応は、通常、溶媒中で行われる。

前記溶媒としては、水や、例えば、低級アルコール類、テトラヒドロフラン、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、アセトニトリル、ジメチルスルホキシド、酢酸、トリフルオロ酢酸等の有機溶媒が好ましく、さらに好ましくはメタノール、N, Nージメチルアセトアミド、アセトニトリル、ジメチルスルホキシド等であり、特に好ましくはメタノールである。

溶媒の使用量は、オニウム塩化合物(14)100重量部に対して、通常、5~100重量部、好ましくは10~100重量部、さらに好ましくは20~50重量部である。

また必要に応じて、前記有機溶媒と水とを併用することもでき、その場合の有機溶媒の使用割合は、有機溶媒と水との合計100重量部に対して、通常、5重量部以上、好ましくは10重量部以上、さらに好ましくは20~90重量部である。

酸化反応の条件は、反応温度が、通常、 $0 \sim 1 \ 0 \ 0 \ \mathbb{C}$ 、好ましくは $5 \sim 6 \ 0 \ \mathbb{C}$ 、さらに好ましくは $5 \sim 4 \ 0 \ \mathbb{C}$ であり、反応時間が、通常、 $0 \cdot 1 \ \sim 7 \ 2$ 時間、好ましくは $0 \cdot 5 \sim 2 \ 4$ 時間である。

オニウム塩化合物 (2)~(3)の合成

オニウム塩化合物(2)~(3)は、一般式(1)中Pが $-O-SO_2$ Rュまたは-O-S(O)R 2 であるオニウム塩化合物(1)の合成方法 に準じて、前記反応式(a)に従って合成することができる。

オニウム塩化合物 (4)~(6)の合成

オニウム塩化合物(4)~(6)は、一般式(1)中Pが $-SO_2R^3$ であるオニウム塩化合物(1)の合成方法に準じて、前記反応式(b)により合成することができる。

オニウム塩化合物 (7)~(10)の合成

オニウム塩化合物 (7) は、例えば、Bull. Chem. Soc. Jpn., Vol. 53, p. 1385-1389 (1980)に記載されている方法により、下記反応式 (c) に示す過程を経て合成することができる。

即ち、前駆化合物(15)とチオール化合物(16)とを遷移金属触媒および塩基性化合物の存在下で反応(以下、「スルフィド化反応」という。)させることにより、一SR5基を有するスルフィド化合物(17)に変換したのち、スルフィド化合物(17)とスルホキシド化合物とを強酸性化合物の存在下で求電子置換反応させることにより、スルホニウム塩化合物(18)を得る。その後、スルホニウム塩化合物(18)を過酸化水素水等の酸化剤で酸化することにより、オニウム塩化合物(17)を合成することができる。また、オニウム塩化合物(8)~(10)も、オニウム塩化合物(7)の合成方法に準じて合成することができる。

Reaction Formula (c)

[式中、ArはAr³基に対応する1価の基を示し、Ar'はAr³基に対応するe価の基を示し、ZはAr基に結合した脱離性の1価の基を示し、Ar³、R¹⁰、eおよびgは一般式(7)におけるそれぞれAr³、R¹⁰、eおよびgと同義である。但し、一般式(7)中のR¹¹ は記載を省略している。〕

前駆化合物(d)中のZの脱離性の1価の基としては、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子のほか、CH3SO3-基、

p-CH₃C₆H₄SO₃-基(p-トルエンスルホネート残基)等を挙 げることができ、好ましくは臭素原子、ヨウ素原子である。

スルフィド化反応時のチオール化合物(16)の前駆化合物(15)に 対するモル比は、通常、1~100、好ましくは1.1~10である。

スルフィド化で使用される遷移金属触媒としては、例えば、パラジウム、 ニッケル、白金、ルテニウム、ロジウム、コバルト等の遷移金属を挙げる ことができ、好ましくはパラジウムである。

スルフィド化反応に使用される塩基性化合物としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、ジメチルアミン、トリエチルアミン、ピリジン、ナトリウムエトキサイド、ナトリウムメトキサイド等挙げることができ、好ましくは水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等である。

スルフィド化反応時の塩基性化合物のチオール化合物(16)に対する モル比は、通常、1.0~10.0、好ましくは2.0~4.0である。 スルフィド化反応は、好ましくは有機溶媒中で行われる。

前記有機溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、ジクロロメタン、クロロホルム、トルエン、ベンゼン、nーヘキサン、酢酸エチル等が好ましく、さらに好ましくはメタノール、エタノール等である。有機溶媒の使用量は、前駆化合物(15)100重量部に対して、通常、5~100重量部、好ましくは10~100重量部、さらに好ましくは20~50重量部である。

スルフィド化反応の条件は、反応温度が、通常、 $50\sim120$ $\mathbb C$ 、好ましくは $60\sim100$ $\mathbb C$ であり、反応時間が、通常、 $0.1\sim72$ 時間、好ましくは $5\sim20$ 時間である。なお、反応温度が有機溶媒の沸点より高い場合は、オートクレーブなどの耐圧容器を使用する。

また、前記求電子置換反応において、強酸性化合物としては、例えば、5酸化リンーメタンスルホン酸混合物が好ましい。

求電子置換反応の条件は、反応温度が、通常、 $-20\sim+50$ \mathbb{C} 、好ましくは $0\sim40$ \mathbb{C} であり、反応時間が、通常、 $0.1\sim5$ 時間、好ましくは $0.5\sim2$ 時間である。

また、オニウム塩化合物(18)の酸化反応において、酸化剤としては、 過酸化水素のほか、メタクロロ過安息香酸、 t ーブチルヒドロペルオキシ ド、ペルオキシ硫酸カリウム、過マンガン酸カリウム、過ホウ素酸ナトリウム、メタョウ素酸ナトリウム、クロム酸、二クロム酸ナトリウム、ハロゲン、ヨードベンゼンジクロリド、ヨードベンゼンジアセテート、酸化オスミウム (VII)、酸化ルテニウム (VII)、次亜塩素酸ナトリウム、亜塩素酸ナトリウム、酸素ガス、オゾンガス等を挙げることができ、好ましくは過酸化水素、メタクロロ過安息香酸、tーブチルヒドロペルオキシド等である。

酸化反応時の酸化剤のスルホニウム塩化合物 (18) に対するモル比は、 通常、1.0~20.0、好ましくは1.5~10.0である。

前記酸化反応に際しては、酸化剤と共に、遷移金属触媒を併用することもできる。

前記遷移金属触媒としては、例えば、タングステン酸二ナトリウム、塩化鉄 (III)、塩化ルテニウム (III)、酸化セレン (IV) 等を挙げることができ、好ましくはタングステン酸二ナトリウムである。

酸化反応時の遷移金属触媒のオニウム塩化合物(18)に対するモル比は、通常、 $0.001\sim2.0$ 、好ましくは $0.01\sim1.0$ 、さらに好ましくは $0.03\sim0.5$ である。

さらに、前記酸化反応に際しては、前記酸化剤および遷移金属触媒に加え、反応液のpH調整の目的で、緩衝剤を併用することもできる。

前記緩衝剤としては、例えば、リン酸水素ニナトリウム、リン酸二水素 ナトリウム、リン酸水素ニカリウム、リン酸二水素カリウム等を挙げることができる。

酸化反応時の緩衝剤のオニウム塩化合物(g)に対するモル比は、通常、 0.01~2.0、好ましくは0.03~1.0、さらに好ましくは0. 05~0.5である。

前記酸化反応は、通常、溶媒中で行われる。

前記溶媒としては、水や、例えば、低級アルコール類、テトラヒドロフ

ラン、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、アセトニトリル、ジメチルスルホキシド、酢酸、トリフルオロ酢酸等の有機溶媒が好ましく、さらに好ましくはメタノール、N, Nージメチルアセトアミド、アセトニトリル、ジメチルスルホキシド等であり、特に好ましくはメタノールである。

溶媒の使用量は、スルホニウム塩化合物(18)100重量部に対して、通常、5~100重量部、好ましくは10~100重量部、さらに好ましくは20~50重量部である。 また必要に応じて、前記有機溶媒と水とを併用することもでき、その場合の有機溶媒の使用割合は、有機溶媒と水との合計100重量部に対して、通常、5重量部以上、好ましくは10重量部以上、さらに好ましくは20~90重量部である。

酸化反応の条件は、反応温度が、通常、 $0 \sim 1 \ 0 \ 0 \ \mathbb{C}$ 、好ましくは $5 \sim 6 \ 0 \ \mathbb{C}$ 、さらに好ましくは $5 \sim 4 \ 0 \ \mathbb{C}$ であり、反応時間が、通常、 $0 \cdot 1 \ \sim 7 \ 2$ 時間、好ましくは $0 \cdot 5 \sim 2 \ 4$ 時間である。

感放射線性酸発生剤

本発明の感放射線性酸発生剤は、オニウム塩化合物(1)~(10)からなり、露光により酸を発生する成分であり、特に、活性放射線、例えば、KrFエキシマレーザー、ArFエキシマレーザー、F2 エキシマレーザー、EUV等に代表される(超)遠紫外線、電子線の如き各種の放射線を用いる微細加工に有用な感放射線性樹脂組成物における感放射線性酸発生剤として極めて好適に使用することができる。

以下では、オニウム塩化合物(1)~(10)からなる感放射線性酸発 生剤をそれぞれ「酸発生剤(A1)~(A10)」という。

ポジ型感放射線性樹脂組成物

- (A)酸発生剤-

本発明のポジ型感放射線性樹脂組成物における(A)成分は、酸発生剤(A1)~(A10)の群から選ばれる少なくとも1種を必須成分とする感放射線性酸発生剤(以下、「(A)酸発生剤」という。)からなる。

酸発生剤(A1)~(A6)においては、一般式(1)~(6)中のA、Ar¹、m、<math>Ar²、nおよびxがそれぞれ、相互に同一でも異なってもよい。

また、酸発生剤(A 7)~(A 1 0)においては、一般式(7)~(1 0)の各式中のR 10 、e、R 11 、f およびgがそれぞれ相互に同一でも異なってもよく、一般式(8)~(1 0)の各式中のR 12 およびh がそれぞれ相互に同一でも異なってもよい。

本発明のポジ型感放射線性樹脂組成物において、酸発生剤 (A1)~ (A10)は、それぞれ単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

本発明のポジ型感放射線性樹脂組成物には、酸発生剤(A1)~(A1 0)以外の感放射線性酸発生剤(以下、「他の酸発生剤」という。)を1 種以上併用することができる。

他の酸発生剤としては、例えば、オニウム塩化合物、スルホン化合物、スルホン酸エステル化合物、スルホンイミド化合物、ジアゾメタン化合物、ジスルホニルメタン化合物等を挙げることができる。

前記オニウム塩化合物としては、例えば、ヨードニウム塩、スルホニウム塩 (但し、テトラヒドロチオフェニウム塩を含む。)、ホスホニウム塩、ジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ピリジニウム塩等を挙げることができる。

また、前記スルホン化合物としては、例えば、 β - ケトスルホン、 β - スルホニルスルホンや、これらの α - ジアゾ化合物等を挙げることができる。

また、前記スルホン酸エステル化合物としては、例えば、アルキルスルホン酸エステル、ハロアルキルスルホン酸エステル、アリールスルホン酸エステル、イミノスルホネート等を挙げることができる。

また、前記スルホンイミド化合物としては、例えば、下記一般式 (15) で表される化合物を挙げることができる。

$$X \longrightarrow N - O - S - R^{13}$$
 (19)

[一般式 (19) において、Xは2価の有機基を示し、R¹³は1価の有機基を示す。]

一般式(19)において、Xとしては、例えば、メチレン基、炭素数2~20の直鎖状もしくは分岐状のアルキレン基、炭素数2~20のアラルキレン基、ジフルオロメチレン基、炭素数2~20の直鎖状もしくは分岐状のパーフルオロアルキレン基、シクロヘキシレン基、フェニレン基、置換されていてもよいノルボルナン骨格を有する2価の基や、これらの基を炭素数6以上のアリール基や炭素数1以上のアルコキシル基で置換基した基等を挙げることができる。

また、R¹³としては、例えば、炭素数1~10の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、炭素数1~10の直鎖状もしくは分岐状のパーフルオロアルキル基、炭素数3~10のパーフルオロシクロアルキル基、炭素数7~15の1価のビシクロ環含有炭化水素基、炭素数6~12のアリール基等

を挙げることができる。

また、前記ジアゾメタン化合物としては、例えば、下記一般式 (20)で表される化合物を挙げることができる。

$$\begin{array}{c|cccc}
O & N_2 & O \\
|| & || & || \\
S & C & S & R^{14} \\
O & O & O
\end{array} (20)$$

[一般式(20)において、各R¹⁴は相互に独立に直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、シクロアルキル基、アリール基、ハロゲン置換アルキル基、ハロゲン置換シクロアルキル基、ハロゲン置換アリール基等の1価の基を示す。]

また、前記ジスルホニルメタン化合物としては、例えば、下記一般式(21)で表される化合物を挙げることができる。

[一般式(21)において、各R 15 は相互に独立に直鎖状もしくは分岐 状の1価の脂肪族炭化水素基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキ ル基またはヘテロ原子を有する1価の他の有機基を示し、VおよびWは相 互に独立にアリール基、水素原子、直鎖状もしくは分岐状の1価の脂肪族 炭化水素基、シクロアルキル基、アラルキル基またはヘテロ原子を有する 1価の他の有機基を示し、且つVおよびWの少なくとも一方がアリール基 であるか、VとWが相互に連結して少なくとも1個の不飽和結合を有する 単環もしくは多環を形成しているか、あるいはVとWが相互に連結して下 記式(ii)で表される基

$$-(c)'_{j}$$

$$W'$$
(ii)

(但し、V'及びW'は相互に独立に水素原子、ハロゲン原子、直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、または同一のもしくは異なる炭素原子に結合した V'とW'が相互に連結して炭素単環構造を形成しており、 V'およびW'が複数存在する場合、複数の V'および複数のW'はそれぞれ相互に同一でも異なってもよく、j は 2 ~ 1 0 の整数である。)を形成している。〕

他の酸発生剤としては、オニウム塩化合物、スルホンイミド化合物およびジアゾメタン化合物の群の1種または2種以上が好ましい。

特に好ましい他の酸発生剤としては、ビス(4ーtーブチルフェニル) ヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ビス(4ーtーブチルフェニル)ヨードニウムノナフルオローnーブタンスルホネート、ビス (4-tーブチルフェニル)ヨードニウムpートルエンスルホネート、ビス ス(4-tーブチルフェニル)ヨードニウム10-カンファースルホネート、ビス(4-tーブチルフェニル)ヨードニウム2-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、ビス(4-tーブチルフェニル)ヨードニウム4-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、ビス(4-tーブチルフェニル)ヨードニウムフェニル)ヨードニウム2,4-ジフルオロベンゼンスルホネート、トリフェニル)ヨードニウム2,4-ジフルオロベンゼンスルホネート、トリ

フェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルス ルホニウムノナフルオローnーブタンスルホネート、トリフェニルスルホ ニウムp-トルエンスルホネート、トリフェニルスルホニウム10-カン ファースルホネート、トリフェニルスルホニウム2-トリフルオロメチル ベンゼンスルホネート、トリフェニルスルホニウム4-トリフルオロベン ゼンスルホネート、トリフェニルスルホニウム2, 4-ジフルオロメチル ベンゼンスルホネート、1-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(4 - n - ブトキシナフタレン - 1 - イル) テトラヒドロチオフェニウムノナ フルオロ-n-ブタンスルホネート、N- (トリフルオロメタンスルホニ ルオキシ) スクシンイミド、N- (トリフルオロメタンスルホニルオキ シ) ビシクロ [2.2.1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイ ミド、N- (10-カンファースルホニルオキシ) スクシンイミド、N-(10-カンファースルホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプトー ボキシメタンビシクロ [2.2.1] ヘプター2ーイル) スルホニルオキ シ} スクシンイミド、ビス (シクロヘキサンスルホニル) ジアゾメタン、 ビス (t-ブチルスルホニル) ジアゾメタンおよびビス (1, 4-ジオキ サスピロ [4.5] -デカン-7-スルホニル) ジアゾメタンの群から選 ばれる少なくとも1種を挙げることができる。

他の酸発生剤の使用割合は、各他の酸発生剤の種類に応じて適宜選定することができるが、酸発生剤(A1)および酸発生剤(A2)と他の酸発生剤との合計100重量部に対して、通常、95重量部以下、好ましくは90重量部以下、さらに好ましくは80重量部以下である。この場合、他の酸発生剤の使用割合が95重量部を超えると、本発明における所期の効果が損なわれるおそれがある。

- (B)酸解離性基含有樹脂-

本発明のポジ型感放射線性樹脂組成物における(B)成分は、酸解離性基を有するアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂であって、該酸解離性基が解離したときにアルカリ易溶性となる樹脂(以下、「(B)酸解離性基含有樹脂」という。)からなる。

ここでいう「アルカリ不溶性またはアルカリ難溶性」とは、(B)酸解離性基含有樹脂を含有する感放射線性樹脂組成物を用いて形成されたレジスト被膜からレジストパターンを形成する際に採用されるアルカリ現像条件下で、当該レジスト被膜の代わりに(B)酸解離性基含有樹脂のみを用いた被膜を現像した場合に、当該被膜の初期膜厚の50%以上が現像後に残存する性質を意味する。

(B)酸解離性基含有樹脂における酸解離性基とは、例えば、フェノール性水酸基、カルボキシル基、スルホン酸基等の酸性官能基中の水素原子を置換した基であり、酸の存在下で解離する基を意味する。

このような酸解離性基としては、例えば、置換メチル基、1-置換エチル基、1-置換-n-プロピル基、1-分岐アルキル基、アルコキシカルボニル基、アシル基、環式酸解離性基等を挙げることができる。

前記置換メチル基としては、例えば、メトキシメチル基、メチルチオメチル基、エトキシメチル基、エチルチオメチル基、メトキシエトキシメチル基、ベンジルオキシメチル基、ベンジルチオメチル基、フェナシル基、4ープロモフェナシル基、4ーメトキシフェナシル基、4ーメチルチオフェナシル基、αーメチルフェナシル基、シクロプロピルメチル基、ベンジル基、ジフェニルメチル基、トリフェニルメチル基、4ープロモベンジル基、4ーニトロベンジル基、4ーメトキシベンジル基、4ーメチルチオベンジル基、4ーエトキシベンジル基、4ーエチルチオベンジル基、ピペロニル基、メトキシカルボニルメチル基、エトキシカルボニルメチル基、ロープロポキシカルボニルメチル基、iープロポキシカルボニルメチル基、

n ーブトキシカルボニルメチル基、t ーブトキシカルボニルメチル基等を 挙げることができる。

また、前記1-置換エチル基としては、例えば、1-メトキシエチル基、 1-メチルチオエチル基、1,1-ジメトキシエチル基、1-エトキシエ チル基、1-エチルチオエチル基、1,1-ジエトキシエチル基、1-フェノキシエチル基、1-フェニルチオエチル基、1,1-ジフェノキシ エチル基、1-ベンジルオキシエチル基、1-ベンジルチオエチル基、1 -シクロプロピルオキシエチル基、1-シクロヘキシルオキシエチル基、 1-フェニルエチル基、1,1-ジフェニルエチル基、1-メトキシカル ボニルエチル基、1,1-ジフェニルエチル基、1-メトキシカル ボニルエチル基、1-エトキシカルボニルエチル基、1-n-プロポキシ カルボニルエチル基、1-i-プロポキシカルボニルエチル基、1-n-ブトキシカルボニルエチル基、1-n-ブトキシカルボニルエチル基等を 挙げることができる。

また、前記1-置換-n-プロピル基としては、例えば、1-メトキシ-n-プロピル基、1-エトキシ-n-プロピル基等を挙げることができる。

また、前記1-分岐アルキル基としては、例えば、i-プロピル基、1-メチルプロピル基、t-ブチル基、1,1-ジメチルプロピル基、1-メチルブチル基、1,1-ジメチルブチル基等を挙げることができる。

また、前記アルコキシカルボニル基としては、例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、i-プロポキシカルボニル基、t-ブトキシカルボニル基等を挙げることができる。

また、前記アシル基としては、例えば、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、ヘプタノイル基、ヘキサノイル基、バレリル基、ピバロイル基、イソバレリル基、ラウリロイル基、ミリストイル基、パルミトイル基、ステアロイル基、オキサリル基、マロニル基、スクシニル基、グルタリル基、アジポイル基、ピペロイル基、スベロイル基、アゼラオイル基、セバ

コイル基、アクリロイル基、プロピオロイル基、メタクリロイル基、クロトノイル基、オレオイル基、マレオイル基、フマロイル基、メサコノイル基、カンホロイル基、ベンゾイル基、フタロイル基、イソフタロイル基、テレフタロイル基、ナフトイル基、トルオイル基、ヒドロアトロポイル基、アトロポイル基、シンナモイル基、フロイル基、テノイル基、ニコチノイル基、イソニコチノイル基、pートルエンスルホニル基、メシル基等を挙げることができる。

また、前記環式酸解離性基としては、例えば、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘキセニル基、4ーメトキシシクロヘキシル基、テトラヒドロピラニル基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロチオピラニル基、テトラヒドロチオフラニル基、3ーブロモテトラヒドロピラニル基、4ーメトキシテトラヒドロピラニル基、4ーメトキシテトラヒドロチオフェン-1,1

これらの酸解離性基のうち、ベンジル基、 t ーブトキシカルボニルメチル基、 1 ーメトキシエチル基、 1 ーエトキシエチル基、 1 ーシクロヘキシルオキシエチル基、 1 ーエトキシー n ープロピル基、 t ーブチル基、 1, 1 ージメチルプロピル基、 t ーブトキシカルボニル基、テトラヒドロピラニル基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロチオプラニル基等が好ましい。

- (B)酸解離性基含有樹脂において、酸解離性基は1種以上存在することができる。
- (B)酸解離性基含有樹脂中の酸解離性基の導入率((B)酸解離性基含有樹脂中の酸性官能基と酸解離性基との合計数に対する酸解離性基の数の割合)は、酸解離性基や該基が導入される樹脂の種類により適宜選定することができるが、好ましくは5~100%、さらに好ましくは10~100%である。

(B)酸解離性基含有樹脂の構造は、前述した性状を有する限り特に限定はなく、種々の構造とすることができるが、特に、ポリ(pーヒドロキシスチレン)中のフェノール性水酸基の水素原子の一部または全部を酸解離性基で置換した樹脂、pーヒドロキシスチレンおよび/またはpーヒドロキシーαーメチルスチレンと(メタ)アクリル酸との共重合体中のフェノール性水酸基の水素原子および/またはカルボキシル基の水素原子の一部または全部を酸解離性基で置換した樹脂等を好ましく用いることができる。

また、(B)酸解離性基含有樹脂の構造は、使用する放射線の種類に応じて種々選定することができる。

例えば、KrFエキシマレーザーを用いる感放射線性樹脂組成物に特に 好適な(B)酸解離性基含有樹脂としては、例えば、下記一般式(22) で表される繰り返し単位(以下、「繰返し単位(22)」という。)を少 なくとも1種と繰返し単位(22)中のフェノール性水酸基を酸解離性基 で保護した繰り返し単位を少なくとも1種とを有するアルカリ不溶性また はアルカリ難溶性の樹脂(以下、「樹脂(B1)」という。)が好ましい。 なお、樹脂(B1)は、ArFエキシマレーザー、F2 エキシマレー ザー、電子線等の他の放射線を使用する感放射線性樹脂組成物にも好適に 使用することができる。

$$\frac{-\left(HC-CH_{2}\right)}{\left(HO\right)_{a}\left(R^{16}\right)_{b}}$$
(22)

[-般式(22) において、 R^{16} は水素原子または1 価の有機基を示し、複数存在する R^{16} は相互に同一でも異なってもよく、a および b はそれぞれ $1\sim3$ の整数である。〕

繰り返し単位 (22) としては、特に、p-ヒドロキシスチレンの非芳香族二重結合が開裂した単位が好ましい。

また、樹脂 (B1) は、さらに他の繰り返し単位を少なくとも1種含んでいてもよい。

前記他の繰り返し単位としては、例えば、スチレン等のビニル芳香族化合物; (メタ) アクリル酸 t ーブチル、 (メタ) アクリル酸アダマンチル、 (メタ) アクリル酸 2 ーメチルアダマンチル等の (メタ) アクリル酸エステル類等の重合性不飽和結合が開裂した単位を挙げることができる

また、ArFエキシマレーザーを用いる感放射線性樹脂組成物に特に好適な(B)酸解離性基含有樹脂としては、例えば、下記一般式(23)で表される繰り返し単位(以下、「繰り返し単位(23)」という。)および下記一般式(24)で表される繰り返し単位(以下、「繰り返し単位(24)」という。)の群から選ばれる少なくとも1種と下記一般式(25)で表される繰り返し単位(以下、「繰り返し単位(25)」という。)を少なくとも1種とを有するアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂(以下、「樹脂(B2)」という)が好ましい。なお、樹脂(B2)は、KrFエキシマレーザー、F2 エキシマレーザー、電子線等の他の放射線を用いる感放射線性樹脂組成物にも好適に使用することができる。

[一般式(23)、一般式(24)および一般式(25)において、R¹⁷、R¹⁹およびR²⁰は相互に独立に水素原子またはメチル基を示し、一般式(19)において、各R¹⁸は相互に独立に水素原子、水酸基、シアノ基または一COOR²²(但し、R²²は水素原子、炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数3~20の環状のアルキル基を示す。)を示し、一般式(25)において、各R²¹は相互に独立に炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体または炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示し、かつR²¹の少なくとも1つが該脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であるか、あるいは何れか2つのR²¹が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子と共に炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成し、残りのR²¹が炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を示す。〕

好ましい繰り返し単位 (23) としては、例えば、 (メタ) アクリル酸

3-ヒドロキシアダマンタン-1-イル、(メタ)アクリル酸 3,5ージヒドロキシアダマンタン-1-イル、(メタ)アクリル酸 3ーシアノアダマンタン-1-イル、(メタ)アクリル酸 3ーカルボキシルアダマンタン-1-イル、(メタ)アクリル酸 3,5ージカルボキシアダマンタン-1-イル、(メタ)アクリル酸 3ーカルボキシー5ーヒドロキシアダマンタン-1-イル、(メタ)アクリル酸 3ーメトキシカルボニルー5ーヒドロキシアダマンタン-1-イル等を挙げることができる。

樹脂(B2)において、繰り返し単位·(23)および繰り返し単位(24)はそれぞれ、単独でまたは2種以上が存在することができる。

また、好ましい繰り返し単位(25)としては、例えば、(メタ)アクリル酸1-メチル-1-シクロペンチル、(メタ)アクリル酸1-エチル-1-シクロペンチル、(メタ)アクリル酸1-メチル-1-シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸1-エチル-1-シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸2-メチルアダマンタン-2-イル、(メタ)アクリル酸2-エチルアダマンタン-2-イル、(メタ)アクリル酸2-n-プロピルアダマンタン-2-イル、(メタ)アクリル酸2-i-プロピルアダマンタン-2-イル、(メタ)アクリル酸2-メチルアダマンタン-2-イル、(メタ)アクリル酸1-(アダマンタン-1-イル)-1-メチルエチル等を挙げることができる。

樹脂 (B2) は、さらに他の繰り返し単位を少なくとも 1 種含むこともできる。

前記他の繰り返し単位としては、例えば、(メタ)アクリル酸 7 ーオキ ソー6ーオキサビシクロ [3.2.1] オクタンー4ーイル、(メタ)ア クリル酸 5 ーオキソー4ーオキサトリシクロ [4.2.1.0³・ァ] ノ ナンー2ーイル、(メタ)アクリル酸 2 ーオキソテトラヒドロピランー 4 ーイル、(メタ)アクリル酸 4 ーメチルー2ーオキソテトラヒドロピラン -4ーイル、(メタ)アクリル酸 5 ーオキソテトラヒドロフランー3ーイ ル、(メタ) アクリル酸2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル、(メ タ) アクリル酸 5 -オキソテトラヒドロフラン-2-イルメチル、(メ タ) アクリル酸 3, 3-ジメチル-5-オキソテトラヒドロフラン-2-イルメチル等の(メタ)アクリル酸エステル類;(メタ)アクリルアミド、 N、N-ジメチル (メタ) アクリルアミド、クロトンアミド、マレインア ミド、フマルアミド、メサコンアミド、シトラコンアミド、イタコンアミ ド等の不飽和アミド化合物;無水マレイン酸、無水イタコン酸等の不飽和 カルボン酸無水物類;ビシクロ[2.2.1]ヘプトー2ーエンやその誘 導体類、テトラシクロ [6.2.13・6.02・7] ドデカー3ーエン やその誘導体類等の単官能性単量体や、メチレングリコールジ(メタ)ア クリレート、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、 2 , 5 ージメ チルー2.5-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、1,2-アダ マンタンジオールジ (メタ) アクリレート、1, 3-アダマンタンジオー ルジ(メタ)アクリレート、1. 4-アダマンタンジオールジ(メタ)ア クリレート、トリシクロデカニルジメチロールジ(メタ)アクリレート等 の多官能性単量体を挙げることができる。

さらに、F2 エキシマレーザーを用いる感放射線性樹脂組成物に特に 好適な(B)酸解離性基含有樹脂としては、下記一般式(26)で表される繰り返し単位(以下、「繰り返し単位(26)」という。)および一般式(27)で表される繰り返し単位の群から選ばれる少なくとも1種を有するアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性のポリシロキサン(以下、「樹脂(B3)」という。)が好ましい。なお、樹脂(B3)は、KrFエキシマレーザー、ArFエキシマレーザー、電子線等の他の放射線を用いる場合にも好適に使用することができる。

[一般式(26) および一般式(27) において、各Eは相互に独立に酸解離性基を有する1価の有機基を示し、R²²は置換されていてもよい炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状の1価の炭化水素基を示す。] 一般式(26) および一般式(27) 中のEとしては、環状構造を有する基に酸解離性基が結合した構造を有する基が好ましい。

前記環状構造を有する基としては、炭素数3~8のシクロアルカン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカン、アダマンタン等に由来する脂環式環状構造を有する基や、炭素数6~20のハロゲン化芳香族環状構造を有する基が好ましい。

樹脂 (B3) としては、繰り返し単位 (26) を有する樹脂が好ましい。 特に好ましい繰り返し単位 (26) の具体例としては、下記式 (26-1) ~ (26-4) で表される単位等を挙げることができる。

樹脂 (B3) は、さらに他の繰り返し単位を少なくとも1種含んでいてもよい。

前記他の繰返し単位としては、例えば、メチルトリメトキシシラン、メ チルトリエトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキ シシラン等のアルキルアルコキシシラン類の加水分解により形成される単 位や、下記式(28-1)~(28-4)で表される繰り返し単位等が好 ましい。

$$\begin{array}{c|c}
 & \downarrow & \downarrow \\
 & \downarrow &$$

樹脂(B3)は、酸解離性基を有するシラン化合物を重縮合させるか、 予め製造したポリシロキサンに酸解離性基を導入することにより製造する ことができる。 酸解離性基を有するシラン化合物を樹脂合させる際には、触媒として、酸性触媒を用いることが好ましく、特に、該シラン化合物を酸性触媒の存在下で重縮合させたのち、塩基性触媒を加えてさらに反応させることが好ましい。

前記酸性触媒としては、例えば、塩酸、硫酸、硝酸、ほう酸、燐酸、四塩化チタン、塩化亜鉛、塩化アルミニウム等の無機酸類;蟻酸、酢酸、nープロピオン酸、酪酸、吉草酸、しゅう酸、マロン酸、こはく酸、マレイン酸、フマル酸、アジピン酸、フタル酸、テレフタル酸、無水酢酸、無水マレイン酸、くえん酸、ベンゼンスルホン酸、pートルエンスルホン酸、メタンスルホン酸等の有機酸類を挙げることができる。

これらの酸性触媒のうち、塩酸、硫酸、酢酸、しゅう酸、マロン酸、マレイン酸、フマル酸、無水酢酸、無水マレイン酸等が好ましい。

前記酸性触媒は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

また、前記塩基性触媒としては、例えば、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、水酸化バリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基類;トリエチルアミン、トリーnープロピルアミン、トリーnーブチルアミン、ピリジン等の有機塩基類を挙げることができる。

前記塩基性触媒は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

(B)酸解離性基含有樹脂が重合性不飽和単量体の重合によりあるいは該重合を経て製造される場合、当該樹脂は、重合性不飽結合を2つ以上有する多官能性単量体に由来する単位および/またはアセタール性架橋基によって分岐構造を導入することができる。このような分岐構造を導入することにより、(B)酸解離性基含有樹脂の耐熱性を向上させることができる。

この場合、(B)酸解離性基含有樹脂中の分岐構造の導入率は、該分岐構造やそれが導入される樹脂の種類により適宜選定することができるが、全繰返し単位に対して10モル%以下であることが好ましい。

(B)酸解離性基含有樹脂の分子量については特に限定はなく、適宜選定することができるが、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー (GPC)で測定したポリスチレン換算重量分子量 (以下、「Mw」という。)は、通常、1,000~500,000、好ましくは2,000~400,000、さらに好ましくは3,000~300,000である。

また、分岐構造をもたない(B)酸解離性基含有樹脂のMwは、好ましくは1,000~150,000、さらに好ましくは3,000~100,000であり、分岐構造を有する(B)酸解離性基含有樹脂のMwは、好ましくは5,000~500,000、さらに好ましくは8,000~300,000である。このような範囲のMwを有する(B)酸解離性基合有樹脂を用いることにより、得られるレジストが現像特性に優れるものとなる。

また、(B)酸解離性基含有樹脂のMwとGPCで測定したポリスチレン換算数分子量(以下、「Mn」という。)との比(Mw/Mn)についても特に限定はなく、適宜選定することができるが、通常、1~10、好ましくは1~8、さらに好ましくは1~5である。このような範囲のMw/Mnを有する(B)酸解離性基含有樹脂を用いることにより、得られるレジストが解像性能に優れるものとなる。

(B)酸解離性基含有樹脂の製造方法については特に限定はないが、例えば、予め製造したアルカリ可溶性樹脂中の酸性官能基に1種以上の酸解離性基を導入する方法;酸解離性基を有する1種以上の重合性不飽和単量体を、場合によりたの重合性不飽和単量体と共に、重合する方法;酸解離性基を有する1種以上の重縮合性成分を、場合により他の重縮合性成分と共に、重縮合する方法等によって製造することができる。

アルカリ可溶性樹脂を製造する際の重合性不飽和単量体の重合および酸解離性基を有する1種以上の重合性不飽和単量体の重合は、使用される重合性不飽和単量体や反応媒質の種類等に応じて、ラジカル重合開始剤、アニオン重合触媒、配位アニオン重合触媒、カチオン重合触媒等の重合開始剤あるいは重合触媒を適宜に選定し、塊状重合、溶液重合、沈澱重合、乳化重合、懸濁重合、塊状一懸濁重合等の適宜の重合形態で実施することができる。

また、酸解離性基を有する1種以上の重縮合性成分の重縮合は、好ましくは酸性触媒の存在下、水媒質中または水と親水性溶媒との混合媒質中で 実施することができる。

本発明のポジ型感放射線性樹脂組成物において、(A)酸発生剤の使用量は、レジストの所望の特性に応じて種々の選定とすることができるが、

(B)酸解離性基含有樹脂100重量部に対して、好ましくは0.001~70重量部、さらに好ましくは0.01~50重量部、特に好ましくは0.1~20質量部である。この場合、(A)酸発生剤の使用量を0.001重量部以上とすることにより、感度および解像度の低下を抑制でき、また70質量部以下とすることにより、レジストの塗布性やパターン形状の劣化を抑制することができる。

一酸拡散抑制剤一

本発明のポジ型感放射線性樹脂組成物には、露光により(A)酸発生剤から生じる酸のレジスト被膜中における拡散現象を制御し、非露光領域での好ましくない化学反応を抑制する作用を有する酸拡散制御剤を配合することが好ましい。このような酸拡散制御剤を配合することにより、感放射線性樹脂組成物の貯蔵安定性が向上させることができるとともに、レジストとしての解像度がさらに向上させ、また露光から現像処理までの引き置き時間(PED)の変動によるレジストパターンの線幅変化を抑えること

ができ、その結果、プロセス安定性に極めて優れた感放射線性樹脂組成物を得ることができる。

このような酸拡散制御剤としては、レジストパターンの形成工程中の露 光や加熱処理により塩基性が変化しない含窒素有機化合物が好ましい。

前記含窒素有機化合物としては、例えば、下記一般式(29)で表される化合物(以下、「含窒素化合物(I)」という。)、同一分子内に窒素原子を2個有するジアミノ化合物(以下、「含窒素化合物(II)」という。)、窒素原子を3個以上有するポリアミノ化合物や重合体(以下、「含窒素化合物(III)」という。)、アミド基含有化合物、ウレア化合物、含窒素複素環式化合物等を挙げることができる。

$$R^{23}$$
 R^{23}
 R^{23}
 R^{23}
 R^{23}
 R^{23}
 R^{23}

[一般式(29)において、各R²³は相互に独立に水素原子、アルキル基、アリール基またはアラルキル基を示し、これらの各基は置換されていてもよい。]

一般式(29)において、R²³の置換されていてもよいアルキル基としては、例えば、炭素数1~15、好ましくは1~10のもの、具体的には、メチル基、エチル基、nープロピル基、iープロピル基、nーブチル基、iーブチル基、secーブチル基、tーブチル基、nーペンチル基、ネオペンチル基、nーヘキシル基、テキシル基、nーヘプチル基、nーオクチル基、nーエチルヘキシル基、nーノニル基、nーデシル基等を挙げることができる。

また、 R^{23} の置換されていたもよいアリール基としては、例えば、炭素数 $6\sim12$ のもの、具体的には、フェニル基、トリル基、キシリル基、ク

メニル基、1-ナフチル基等を挙げることができる。

さらに、 R^{23} の置換されていてもよいアラルキル基としては、例えば、 炭素数 $7\sim19$ 、好ましくは $7\sim13$ のもの、具体的には、ベンジル基、 $\alpha-$ メチルベンジル基、フェネチル基、1-ナフチルメチル基等を挙げる ことができる。

含窒素化合物(I)としては、例えば、n-ヘキシルアミン、n-ヘプチルアミン、n-オクチルアミン、n-ノニルアミン、nーデシルアミン等のモノアルキルアミン類;ジーnーブチルアミン、ジーnーペンチルアミン、ジーnーヘキシルアミン、ジーnーペンチルアミン、ジーnーヘキシルアミン、ジーnーボンルアミン等のジアルキルアミン、ジーnーノニルアミン、トリーnープロピルアミン、トリーnープチルアミン、トリーnーペンチルアミン、トリーnーペンチルアミン、トリーnーペキシルアミン、トリーnーペンチルアミン、トリーnーノニルアミン、トリーnーデシルアミン、トリーnーオクチルアミン類;アニリン、Nーメチルアニリン、4ーメチルアニリン、2ーメチルアニリン、3ーメチルアニリン、4ーメチルアニリン、4ーニトロアニリン、ジフェニルアミン、トリフェニルアミン、トリエタノールアミン等の方香族アミン類;エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルカノールアミン類等を挙げることができる。

 2-(4-アミノフェニル) プロパン、2-(4-アミノフェニル)-2 -(3-ヒドロキシフェニル) プロパン、2-(4-アミノフェニル) -2-(4-ヒドロキシフェニル) プロパン、1, 4-ビス[1-(4-アミノフェニル)-1-メチルエチル] ベンゼン、1, 3-ビス[1-(4-アミノフェニル)-1-メチルエチル] ベンゼン等を挙げることができる。

また、含窒素化合物 (III)としては、例えば、ポリエチレンイミン、ポリアリルアミン、ジメチルアミノエチルアクリルアミドの重合体等を挙げることができる。

また、前記アミド基含有化合物としては、例えば、ホルムアミド、Nーメチルホルムアミド、N, Nージメチルホルムアミド、アセトアミド、Nーメチルアセトアミド、プロピオンアミド、ベンズアミド、ピロリドン、Nーメチルピロリドン等を挙げることができる。

前記ウレア化合物としては、例えば、尿素、メチルウレア、1, 1-ジメチルウレア、1, 3-ジメチルウレア、1, 1, 3, 3-テトラメチルウレア、1, 3-ジフェニルウレア、トリブチルチオウレア等を挙げることができる。

また、前記含窒素複素環式化合物としては、例えば、イミダゾール、ベンズイミダゾール、2ーメチルイミダゾール、4ーメチルイミダゾール、1,2ージメチルイミダゾール、2ーフェニルイミダゾール、4ーフェニルイミダゾール、4ーメチルー2ーフェニルイミダゾール、2ーフェニルベンズイミダゾール等のイミダゾール類;ピリジン、2ーメチルピリジン、4ーメチルピリジン、2ーフェニルピリジン、4ーアエニルピリジン、4ーフェニルピリジン、カーメチルピリジン、4ーフェニルピリジン、アクリジン等のピリジン類の他、ピラジン、ピラゾール、ピ

リダジン、キノザリン、プリン、ピロリジン、ピペリジン、1ーピペリジンエタノール、2ーピペリジンエタノール、3ーピペリジノー1, 2ープロパンジオール、モルホリン、4ーメチルモルホリン、ピペラジン、1, 4ージメチルピペラジン、1, 4ージアザビシクロ[2.2.2]オクタン等を挙げることができる。

さらに、前記含窒素有機化合物として、酸解離性基を有する化合物を用いることもできる。

前記酸解離性基を有する含窒素有機化合物としては、例えば、N-(t-7) トキシカルボニル)ピペリジン、N-(t-7) トキシカルボニル)イミダゾール、N-(t-7) トキシカルボニル)ベンズイミダゾール、N-(t-7) トキシカルボニル) 2フェニルベンズイミダゾール、N-(t-7) トキシカルボニル)ジオクチルアミン、N-(t-7) トキシカルボニル)ジオクチルアミン、N-(t-7) トキシカルボニル)ジンクロヘキシルアミン、N-(t-7) トキシカルボニル)ジンクロヘキシルアミン、N-(t-7) トキシカルボニル)ジフェニルアミン等を挙げることができる。

これらの含窒素有機化合物のうち、含窒素化合物 (I)、含窒素化合物 (II)、含窒素複素環式化合物等が好ましい。

前記酸拡散制御剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

酸拡散制御剤の配合量は、(B)酸解離性基含有樹脂100質量部に対して、好ましくは15質量部以下、さらに好ましくは0.001~10質量部、特に好ましくは0.005~5質量部である。この場合、酸拡散制御剤の配合量を0.001質量部以上とすることにより、プロセス条件によってレジストとしてのパターン形状や寸法忠実度が低下することを抑制でき、また15質量部以下とすることにより、レジストとしての感度や露光部の現像性を向上させることができる。

一溶解制御剤一

本発明のポジ型感放射線性樹脂組成物には、酸の作用により、アルカリ現像液に対する溶解性が高くなる性質を有する溶解制御剤を配合することもできる。

このような溶解制御剤としては、例えば、フェノール性水酸基、カルボキシル基、スルホン酸基等の酸性官能基を有する化合物や、該化合物中の酸性官能基の水素原子をを酸解離性基で置換した化合物等を挙げることができる。

前記溶解制御剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。 溶解制御剤の配合量は、感放射線性樹脂組成物中の全樹脂成分10重量部に対し、通常、10重量部以下、好ましくは5重量部以下である。

一界面活性剤一

本発明のポジ型感放射線性樹脂組成物には、感放射線性樹脂組成物の塗布性、ストリエーション、現像性等を改良する作用を示す界面活性剤を配合することもできる。

このような界面活性剤としては、アニオン系、カチオン系、ノニオン系 又は両性の界面活性剤のいずれでも使用することができるが、好ましくは ノニオン系界面活性剤である。

前記ノニオン系界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレン高級アルキルエーテル類、ポリオキシエチレン高級アルキルフェニルエーテル類、ポリエチレングリコールの高級脂肪酸ジエステル類のほか、以下商品名で、「KP」(信越化学工業製)、「ポリフロー」(共栄社油脂化学工業製)、「エフトップ」(トーケムプロダクツ製)、「メガファック」(大日本インキ化学工業製)、「フロラード」(住友スリーエム製)、「アサヒガード」及び「サーフロン」(旭硝子製)等の各シリーズ等を挙

げることができる。

前記界面活性剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。 界面活性剤の配合量は、感放射線性樹脂組成物中の全樹脂成分100重量部に対し、界面活性剤の有効成分として、通常、2重量部以下、好ましくは1.5重量部以下である。

一増感剤一

本発明のポジ型感放射線性樹脂組成物には、放射線のエネルギーを吸収して、そのエネルギーを(A)酸発生剤に伝達し、それにより酸の生成量を増加する作用を有し、感放射線性樹脂組成物のみかけの感度を向上させることができる増感剤を配合することもできる。

このような増感剤としては、例えば、アセトフェノン類、ベンゾフェノン類、ナフタレン類、ビアセチル、エオシン、ローズベンガル、ピレン類、アントラセン類、フェノチアジン類等を挙げることができる。

これらの増感剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。 増感剤の配合量は、感放射線性樹脂組成物中の全樹脂成分100 重量部に対して、通常、50重量部以下、好ましくは30重量部以下である。

ー他の添加剤ー

さらに、本発明のポジ型感放射線性樹脂組成物には、本発明の効果を阻害しない範囲で、必要に応じて、前記以外の添加剤、例えば、染料、顔料、接着助剤や、ハレーション防止剤、保存安定剤、消泡剤、形状改良剤等、具体的には4ーヒドロキシー4'ーメチルカルコン等を配合することもできる。

この場合、染料や顔料を配合することにより、露光部の潜像を可視化させて、露光時のハレーションの影響を緩和でき、また接着助剤を配合する

ことにより、基板との接着性を改善することができる。

組成物溶液の調製

本発明のポジ型感放射線性樹脂組成物は、通常、使用時に各成分を溶剤 に溶解して均一溶液とし、その後必要に応じて、例えば孔径 0.2 μ m程 度のフィルター等でろ過することにより、組成物溶液として調製される。

前記溶剤としては、例えば、エーテル類、エステル類、エーテルエステル類、ケトン類、ケトンエステル類、アミド類、アミドエステル類、ラクタム類、ラクトン類、(ハロゲン化)炭化水素類等を挙げることができ、より具体的には、エチレングリコールモノアルキルエーテル類、ジエチレングリコールジアルキルエーテル類、プロピレングリコールモノアルキルエーテル類、プロピレングリコールモノアルキルエーテル類、エチレングリコールモノアルキルエーテル類、エチレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類、プロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類、酢酸エステル類、ヒドロキシ酢酸エステル類、乳酸エステル類、アルコキシ酢酸エステル類、(非)環式ケトン類、アセト酢酸エステル類、ピルビン酸エステル類、プロピオン酸エステル類、アセト酢酸エステル類、ピルビン酸エステル類、プロピオン酸エステル類、N、Nージアルキルアセトアミド類、N、Nージアルキルアセトアミド類、N、Pージアルキルアセトアミド類、N、Pージアルキルアセトアミド類、N、Pージアルキルアセトアミド類、Nーアルキルピロリドン類、γーラクトン類、(ハロゲン化)脂肪族炭化水素類、(ハロゲン化)芳香族炭化水素類等を挙げることができる。

前記溶剤の具体例としては、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノーnーブチルエーテル、ジエチレングリコールジェチルエーテル、ジエチレングリコールジェチルエーテル、ジエチレングリコールジーロープロピルエーテル、ジエチレングリコールジーnーブチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノメチルエーテルレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモ

ノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノー n ープロピルエーテルアセテート、イソプロペニルアセテート、イソプロペニルプロピオネート、トルエン、キシレン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、2ーヘプタノン、3ーヘプタノン、4ーヘプタノン、2ーヒドロキシプロピオン酸エチル、2ーヒドロキシーロピオン酸エチル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2ーヒドロキシー 3ーメチル酪酸メチル、乳酸メチル、乳酸ロープロピル、乳酸iープロピル、3ーメトキシブチルアセテート、3ーメチルー3ーメトキシブチルアセテート、3ーメチルー3ーメトキシブチルブロピオネート、3ーメチルー3ーメトキシブチルブチレート、酢酸エチル、酢酸nープロピル、酢酸ローブチル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、3ーメトキシプロピオン酸メチル、3ーエトキシプロピオン酸メチル、3ーエトキシプロピオン酸メチル、3ーエトキシプロピオン酸メチル、1・エトキシプロピオン酸エチル、1・カージメチルボルムアミド、N、Nージメチルアセトアミド等を挙げることができる。

これらの溶剤のうち、プロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類、2-ヘプタノン、乳酸エステル類、2-ヒドロキシプロピオン酸エステル類、3-アルコキシプロピオン酸エステル類等が、塗布時の膜面内均一性が良好となるの点で好ましい。

前記溶剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。また必要に応じて、前記溶剤と共に、他の溶剤、例えば、ベンジルエチルエーテル、ジーnーへキシルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、アセトニルアセトン、イソホロン、カプロン酸、カプリル酸、1ーオクタノール、1ーノナノール、ベンジルアルコール、酢酸ベンジル、安息香酸エチル、シュウ酸ジエチル、マレイン酸ジエチル、γーブチロラクトン、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、エチレングリコールモノフェニルエーテルアセテート等

の高沸点溶剤等を使用することができる。

これらの他の溶剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

他の溶剤を使用割合は、全溶剤に対して、通常、50重量%以下、好ましくは30重量%以下である。

溶剤の合計使用量は、溶液の全固形分濃度が、通常、5~50重量%、 好ましくは10~50重量%、さらに好ましくは10~40重量%、特に 好ましくは10~30重量%、就中10~25重量%となる量である。溶 液の全固形分濃度をこの範囲とすることにより、塗布時の膜面内均一性が 良好となる点で好ましい。

<u>レジストパターンの形成</u>

本発明のポジ型感放射線性樹脂組成物からレジストパターンを形成する際には、前記のようにして調製された組成物溶液を、回転塗布、流延塗布、ロール塗布等の適宜の塗布手段によって、例えば、シリコンウエハー、アルミニウムで被覆されたウエハー等の基板上に塗布することにより、レジスト被膜を形成する。その後、場合により予め加熱処理(以下、「PB」という。)を行ったのち、所定のマスクパターンを介して、該レジスト被膜に露光する。

露光の際に使用することができる放射線としては、使用される(A)酸発生剤の種類に応じて、水銀灯の輝線スペクトル(波長254nm)、KrFエキシマレーザー(波長248nm)、ArFエキシマレーザー(波長193nm)、F2 エキシマレーザー(波長157nm)、EUV(波長13nm等)等の遠紫外線や、シンクロトロン放射線等のX線、電子線等の荷電粒子線等を挙げることができ、好ましくは遠紫外線および荷電粒子線、特に好ましくはKrFエキシマレーザー(波長248nm)、ArFエキシマレーザー(波長193nm)および電子線である。

また、放射線量等の露光条件は、ポジ型感放射線性樹脂組成物の配合組成、添加剤の種類等に応じて適宜選定される。

また、レジストパターンの形成に際しては、露光後に加熱処理(以下、この加熱処理を「PEB」という。)を行うことが、レジストの見掛けの感度を向上させる点で好ましい。

PEBの加熱条件は、感放射線性樹脂組成物の配合組成、添加剤の種類等により変わるが、通常、30~200℃、好ましくは50~150℃である。

その後、露光されたレジスト被膜をアルカリ現像液で現像することにより、所定のレジストパターンを形成する。

前記アルカリ現像液としては、例えば、アルカリ金属水酸化物、アンモニア水、アルキルアミン類、アルカノールアミン類、複素環式アミン類、テトラアルキルアンモニウムヒドロキシド類、コリン、1,8ージアザビシクロ[5.4.0]-7ーウンデセン、1,5ージアザビシクロ[4.3.0]-5ーノネン等のアルカリ性化合物の1種以上を溶解したアルカリ性水溶液が使用され、特に好ましいアルカリ現像液は、テトラアルキルアンモニウムヒドロキシド類の水溶液である。

また、前記アルカリ性水溶液の濃度は、好ましくは10重量%以下、さらに好ましくは1~10重量%、特に好ましくは2~5重量%である。この場合、アルカリ性水溶液の濃度を10重量%以下とすることにより、非露光部の現像液への溶解を抑制することができる。

また、前記アルカリ性水溶液からなる現像液には、界面活性剤等を適量 添加することが好ましく、それによりレジストに対する現像液の濡れ性を 高めることができる。

なお、前記アルカリ性水溶液からなる現像液で現像した後は、一般に、 水で洗浄して乾燥する。

実施例

以下に、本発明の実施例を示して、本発明の実施の形態をさらに具体的に説明する。但し、本発明は、これらの実施例に何ら制約されるものではない。

[酸発生剤の合成]

合成例1

反応フラスコ内で、4ーヒドロキシフェニル・ジフェニルスルホニウムノナフルオロー n ーブタンスルホネート30gをジクロロメタン300gに溶解して、窒素置換を行った。その後、n ーブタンスルホニルクロライド17.9gを加えたのち、トリエチルアミン10.5gを加えて、室温で20分間攪拌した。その後、イオン交換水100gを加え、この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして静置したのち、水層を除去した。その後、蒸留水300ミリリットルを加えて振とうして静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、ジクロロメタン溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、4ーnーブタンスルホニルオキシフェニル・ジフェニルスルホニウムノナフルオローnーブタンスルホネート26.7gを得た。この化合物を「酸発生剤(A-1)」とする。

合成例2

反応フラスコ内で、4ーヒドロキシフェニル・ジフェニルスルホニウム ノナフルオローnーブタンスルホネート30gをジクロロメタン300g に溶解して、窒素置換を行った。その後、ノナフルオローnーブタンスル ホニルクロライド33.1g加えたのち、トリエチルアミン10.5gを 加えて、室温で20分間攪拌した。その後、イオン交換水100gを加え、 この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去 した。その後、蒸留水 3 0 0 ミリリットルを加えて振とうして静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、ジクロロメタン溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、4 ーノナフルオロー n ーブタンスルホニルオキシフェニル・ジフェニルスルホニウムノナフルオロー n ーブタンスルホネート 2 6 . 7 gを得た。この化合物を「酸発生剤(A-2)」とする。

合成例3

反応フラスコ内で、4ーヒドロキシフェニル・ジフェニルスルホニウムノナフルオローnーブタンスルホネート30gをジクロロメタン300gに溶解して、窒素置換を行った。その後、1,1,2,2ーテトラフルオロー2ー(ノルボルナンー2ーイル)エタンスルホニルクロライド30.6gを加えたのち、トリエチルアミン10.5gを加えて、室温で20分間攪拌した。その後、イオン交換水100gを加え、この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、蒸留水300ミリリットルを加えて振とうして静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、ジクロロメタン溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、4ー[1,1,2,2ーテトラフルオロー2ー(ノルボルナンー2ーイル)エタンスルホニルオキシ]フェニル・ジフェニルスルホニウムノナフルオローnーブタンスルホネート23.5gを得た。この化合物を「酸発生剤(A-3)」とする。

合成例 4

反応フラスコ内で、4-ヒドロキシフェニル・ジフェニルスルホニウム ノナフルオロ-n-ブタンスルホネート30gをジクロロメタン300g に溶解して、窒素置換を行った。その後、10-カンファースルホニルクロライド26.0g加えたのち、トリエチルアミン10.5gを加えて、室温で20分間攪拌した。その後、イオン交換水100gを加え、この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、蒸留水300ミリリットルを加えて振とうして静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、ジクロロメタン溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、4-(10-カンファースルホニルオキシ)フェニル・ジフェニルスルホニウムノナフルオローnーブタンスルホネート38.6gを得た。この化合物を「酸発生剤(A-4)」とする。

合成例 5

反応フラスコ内で、4ーヒドロキシフェニル・ジフェニルスルホニウムノナフルオローnーブタンスルホネート30gをジクロロメタン300gに溶解して、窒素置換を行った。その後、pートシルスルホニルクロライド19.7g加えたのち、ドリエチルアミン10.5gを加えて、室温で20分間攪拌した。その後、イオン交換水100gを加え、この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、蒸留水300ミリリットルを加えて振とうして静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、ジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、ジクロロメタン溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、4ー(pートシルスルホニルオキシ)フェニル・ジフェニルスルホニウムノナフルオローnーブタンスルホネート12.6gを得た。この化合物を「酸発生剤(A-5)」とする。

合成例6

反応フラスコ内で、4ーヒドロキシフェニル・ジフェニルスルホニウム 1, 1, 2, 2ーテトラフルオロー2ー(ノルボルナンー2ーイル)エタンスルホネート30gをジクロロメタン300gに溶解して、窒素置換を行った。その後、1, 1, 2, 2ーテトラフルオロー2ー(ノルボルナンー2ーイル)エタンスルホニルクロライド30.6g加えたのち、トリエチルアミン10.5gを加えて、室温で20分間攪拌した。その後、イオン交換水100gを加え、この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、霧的れたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、ジクロロメタン溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、1, 1, 2, 2ーテトラフルオロー2ー(ノルボルナンー2ーイル)エタンスルホニルオキシフェニル・ジフェニルスルホニウム1, 1, 2, 2ーテトラフルオロー2ー(ノルボルナンー2ーイル)エタンスルホニルオキシフェニル・ジフェニルスルホニウム1, 1, 2, 2ーテトラフルオロー2ー(ノルボルナンー2ーイル)エタンスルホネート23.5gを得た。この化合物を「酸発生剤(A-6)」とする。

合成例7

反応フラスコ内で、4ーフルオロフェニル・ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート26.7gをジクロロメタン200gに溶解して、窒素窒素置換を行った。その後、10重量%水酸化ナトリウム水溶液200g、テトラーnーブチルアンモニウムブロマイド5.8g、nーブタンチオール6.71g加えて、室温で30分間攪拌し、この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水300ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、エバポレーターを用いて乾燥して、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することによ

り、4-n-ブチルチオフェニル・ジフェニルスルホニウムトリフルオロ メタンスルホネート17.8gを得た。

次いで、反応フラスコ内で、得られた4-n-ブチルチオフェニル・ジ フェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート17.8gをメタ ノール100gに溶解し、この溶液をイオン交換クロマトグラフィー(イ オン交換樹脂:アルドリッチ (Aldrich)社製 Shephadex R-QAE A-25、充填 量60g) に通して、トリフルオロメタンスルホン酸アニオンを塩素イオ ンに変換した。その後、エバポレターを用いてメタノールを留去したのち、 得られた残渣をジクロロメタン100gに溶解した。その後、30重量% ノナフルオローnーブタンスルホン酸アンモニウム水溶液15g加え、室 温で1時間攪拌し、この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置し たのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水100ミリリットルを加 **ぇて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジク** ロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、エバポ レーターを用いて乾燥して、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、 残留液体を減圧乾燥することにより、4-n-ブチルチオフェニル・ジ フェニルスルホニウムノナフルオローn-ブタンスルホネート21.1g を得た。

次いで、反応フラスコ内で、得られた4-n-ブチルチオフェニル・ジフェニルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート21.1gをメタノール300ミリリットルに溶解し、30重量%過酸化水素水18g、タングステン酸ナトリウム2水和物10.5gを加え、室温で30分間攪拌した。その後、得られたメタノール溶液を減圧濃縮して、残渣をジクロロメタン300gに溶解し、この溶液を分液漏斗に移して振して、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水100ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥てろ過したのち、エバ

ポレーターを用いて乾燥して、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、 残留液体を減圧乾燥することにより、4-n-ブチルスルホニルフェニル・ジフェニルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート14.4gを得た。この化合物を「酸発生剤(A-7)」とする。

合成例8

反応フラスコ内で、4ーフルオロフェニル・ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート26.7gをジクロロメタン200gに溶解して、窒素置換を行った。その後、10重量%水酸化ナトリウム水溶液200g、テトラーnーブチルアンモニウムブロマイド5.8g、シクロヘキサンチオール6.71g加え、室温で30分間攪拌した。その後、この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水300ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、4ーシクロヘキシルチオフェニル・ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート19.2gを得た。

次いで、反応フラスコ内で、得られた 4 ーシクロヘキシルチオフェニル・ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート 1 9 . 2 gをメタノール 1 0 0 g に溶解し、この溶液をイオン交換クロマトグラフィー(イオン交換樹脂:アルドリッチ(Aldrich) 社製 Shephadex R-QAE A-25、充填量 6 0 g)に通して、トリフルオロメタンスルホン酸アニオンを塩素イオンに変換した。その後、エバポレターを用いてメタノールを留去したのち、得られた残渣をジクロロメタン 1 0 0 g に溶解した。その後、3 0 重量%ノナフルオローn ーブタンスルホン酸アンモニウム水溶液 1 5 gを加え、室温で 1 時間攪拌し、この混合溶液を分液漏斗に移して振とう

して、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水100ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、4ーシクロヘキシルチオフェニル・ジフェニルスルホニウムノナフルオローnーブタンスルホネート20.5gを得た。

次いで、反応フラスコ内で、得られた 4 ーシクロヘキシルチオフェニル・ジフェニルスルホニウムノナフルオロー n ーブタンスルホネート 2 0 . 5 gをメタノール 3 0 0 ミリリットルに溶解し、 3 0 重量%過酸化水素水 1 8 g、タングステン酸ナトリウム 2 水和物 1 0 . 5 gを加え、室温で3 0 分間攪拌した。その後、得られたメタノール溶液を減圧濃縮して、残渣をジクロロメタン 3 0 0 gに溶解し、この溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水 1 0 0 ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、 4 ーシクロヘキシルスルホニルフェニル・ジフェニルスルホニウムノナフルオローn ーブタンスルホネート 1 5 . 5 gを得た。この化合物を「酸発生剤(A-8)」とする。

合成例9

反応フラスコ内で、トリス(4ーフルオロフェニル)スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート26.7gをジクロロメタン200gに溶解して、窒素置換を行った。その後、10重量%水酸化ナトリウム水溶液600g、テトラーnーブチルアンモニウムブロマイド5.8g、nーブタンチオール20.1gを加え、室温で30分間攪拌した。その後、この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。

その後、さらに蒸留水300ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、ジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、トリス(4-n-ブチルチオフェニル)スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート23.4gを得た。

次いで、反応フラスコ内で、得られたトリス(4-nーブチルチオフェニル)スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート23.4gをメタノール100gに溶解し、この溶液をイオン交換クロマトグラフィー(イオン交換樹脂:アルドリッチ(Aldrich)社製 Shephadex R-QAE A-25、充填量180g)に通して、トリフルオロメタンスルホン酸アニオンを塩素イオンに変換した。その後、エバポレターを用いてメタノールを留去したのち、得られた残渣をジクロロメタン300gに溶解した。その後、30重量%ノナフルオローnーブタンスルホン酸アンモニウム水溶液45gを加え、室温で1時間攪拌した。その後、この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水100ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、内のち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水100まりリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、カーロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してる過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、トリス(4-nブチルチオフェニル)スルホニウムノナフルオローnーブタンスルホネート25.2gを得た。

次いで、反応フラスコ内で、得られたトリス(4-n-ブチルチオフェニル)スルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート25.2gをメタノール300ミリリットルに溶解し、30重量%過酸化水素水54g、タングステン酸ナトリウム2水和物30gを加え、室温で30分間攪拌した。その後、得られたメタノール溶液を減圧濃縮して、残渣をジクロロメタン300gに溶解し、この溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水100ミリリットルを加

えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、トリス(4-n-ブチルスルホニルフェニル)スルホニウムノナフルオローn-ブタンスルホネート20.1gを得た。この化合物を「酸発生剤(A-9)」とする。

合成例10

反応フラスコ内で、4ーフルオロフェニル・ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート26.7gをジクロロメタン200gに溶解して、窒素置換を行った。その後、10重量%水酸化ナトリウム水溶液200g、1,4ージオキサスピロ[4.5]デカンー7ーチオール11.8g加え、室温で30分間攪拌した。その後、この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水300ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、[4ー(1,4ージオキサスピロ[4.5]デカンー7ーイルスルファニル)フェニル]ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート25.3gを得た。

次いで、反応フラスコ内で、得られた〔4-(1,4-ジオキサスピロ [4.5] デカン-7-イルスルファニル)フェニル〕ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート25.3gをメタノール100gに溶解し、この溶液をイオン交換クロマトグラフィー(イオン交換樹脂:アルドリッチ(Aldrich)社製 Shephadex R-QAE A-25、充填量60g)に通して、トリフルオロメタンスルホン酸アニオンを塩素イオンに変換した。その後、エバポレターを用いてメタノールを留去したのち、得られた残渣

をジクロロメタン100gに溶解した。その後、30重量%ノナフルオロー n ー ブタンスルホン酸アンモニウム水溶液58gを加えて、室温で1時間攪拌し、この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水100ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、〔4ー(1,4ージオキサスピロ〔4.5〕デカンー7ーイルスルファニル)フェニル〕ジフェニルスルホニウムノナフルオローnーブタンスルホネート31.5gを得た。

次いで、反応フラスコ内で、得られた〔4-(1,4-ジオキサスピロ [4.5] デカン-7-イルスルファニル)フェニル〕ジフェニルスルホニウムノナフルオローn-ブタンスルホネート31.5gをメタノール300ミリリットルに溶解して、30重量%過酸化水素水30g、タングステン酸ナトリウム2水和物10.5gを加え、室温で30分間攪拌した。その後、得られたメタノール溶液を減圧濃縮して、残渣をジクロロメタン300gに溶解し、この溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水100ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、[4-(1,4-ジオキサスピロ[4.5] デカン-7-イルスルホニル)フェニル〕ジフェニルスルホニウムノナフルオローn-ブタンスルホネート30.5gを得た。この化合物を「酸発生剤(A-10)」とする。

合成例11

反応フラスコ内で、4-フルオロフェニル・ジフェニルスルホニウムト

リフルオロメタンスルホネート26.7gをジクロロメタン200gに溶解して、窒素置換を行った。その後、10重量%水酸化ナトリウム水溶液200g、3,3一ジメチルー1,5一ジオキサスピロ [5.5] ウンデカンー7-チオール14.6g加え、室温で30分間攪拌した。その後、この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水300ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、〔4-(3,3-ジメチルー1,5-ジオキサスピロ [5.5] ウンデカンー7-イルスルファニル)フェニル〕ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート25.6gを得た。

次いで、反応フラスコ内で、得られた〔4 - (3,3 - ジメチル-1,5 - ジオキサスピロ [5.5] ウンデカン-7 - イルスルファニル)フェニル】ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート 2 5.6 gをメタノール 1 0 0 gに溶解し、この溶液をイオン交換クロマトグラフィー (イオン交換樹脂:アルドリッチ (Aldrich)社製 Shephadex R-QAE A-25、充填量 6 0 g) に通して、トリフルオロメタンスルホン酸アニオンを塩素イオンに変換した。その後、エバポレターを用いてメタノールを留去したのち、得られた残渣をジクロロメタン 1 0 0 g に溶解した。その後、3 0 重量%ノナフルオロー n - ブタンスルホン酸アンモニウム水溶液 6 0 gを加えて、室温で 1 時間攪拌し、この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水 1 0 0 ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、待られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、〔4 - (3,3 - ジメチル-1,5 - ジオキサスピロ [5

. 5] ウンデカン-7-イルスルファニル) フェニル] ジフェニルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート30.5gを得た。

次いで、反応フラスコ内で、得られた〔4 - (3、3 - ジメチルー1、5 - ジオキサスピロ [5.5] ウンデカン- 7 - イルスルファニル)フェニル】ジフェニルスルホニウムノナフルオローn - ブタンスルホネート30.5 gをメタノール300ミリリットルに溶解して、30重量%過酸化水素水30g、タングステン酸ナトリウム2水和物10.5 gを加え、室温で30分間攪拌した。その後、得られたメタノール溶液を減圧濃縮して、残渣をジクロロメタン300gに溶解し、この溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水100ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、〔4 - (3、3 - ジメチルー1、5 - ジオキサスピロ[5.5] ウンデカン-7 - イルスルホニル)フェニルスルホニウムノナフルオローn - ブタンスルホネート29.2 gを得た。この化合物を「酸発生剤(A-11)」とする。

合成例12

反応フラスコ内で、4ーフルオロフェニル・ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート26.7gをジクロロメタン200gに溶解して、窒素置換を行った。その後、10重量%水酸化ナトリウム水溶液200g、ビシクロ[2.2.1]へプタン-2ーチオール8.7g加え、室温で30分間攪拌した。その後、この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水300ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過した

のち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、 [4-(ビシクロ [2.2.2] ヘプタン-2-イルスルファニル) フェニル] ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート25.6gを得た。

次いで、反応フラスコ内で、得られた [4-(ビシクロ [2.2.2] ヘプタン-2-イルスルファニル)フェニル]ジフェニルスルホニウムト リフルオロメタンスルホネート25.6gをメタノール100gに溶解し、 この溶液をイオン交換クロマトグラフィー(イオン交換樹脂:アルドリッ チ (Aldrich)社製 Shephadex R-QAE A-25、充填量60g) に通して、トリ フルオロメタンスルホン酸アニオンを塩素イオンに変換した。その後、エ バポレターを用いてメタノールを留去したのち、得られた残渣をジクロロ メタン100gに溶解した。その後、30重量%ノナフルオローnーブタ ンスルホン酸アンモニウム水溶液60gを加えて、室温で1時間攪拌し、 この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去 した。その後、さらに蒸留水100ミリリットルを加えて振とうして、静 置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無 水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロ メタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、〔4 - (ビシクロ [2.2.2] ヘプタンー2ーイルスルファニル) フェニル] ジフェニル スルホニウムノナフルオローn-ブタンスルホネート27.4gを得た。 次いで、反応フラスコ内で、得られた〔4-(ビシクロ [2.2.2] ヘプタン-2-イルスルファニル)フェニル]ジフェニルスルホニウムノ ナフルオロ-n-ブタンスルホネート27.4gをメタノール300ミリ リットルに溶解し、30重量%過酸化水素水18g、タングステン酸ナト リウム2水和物10.5gを加え、室温で30分間攪拌した。その後、得 られたメタノール溶液を減圧濃縮して、残渣をジクロロメタン300gに 溶解し、この溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を

除去した。その後、さらに蒸留水100ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、〔4 - (ビシクロ[2.2.2] ヘプタン-2-イルスルホニル)フェニル〕ジフェニルスルホニウムノナフルオローn-ブタンスルホネート23.5gを得た。この化合物を「酸発生剤(A-12)」とする。

合成例13

反応フラスコ内で、4ーフルオロフェニル・ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート26.7gをジクロロメタン200gに溶解して、窒素置換を行った。その後、10重量%水酸化ナトリウム水溶液200g、メタンチオール6.71g加え、室温で30分間攪拌した。その後、この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水300ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、4ーメチルチオフェニル・ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート19.8gを得た。

次いで、反応フラスコ内で、得られた 4 ーメチルチオフェニル・ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート 19.8 gをメタノール 100 gに溶解し、この溶液をイオン交換クロマトグラフィー(イオン交換樹脂:アルドリッチ (Aldrich)社製 Shephadex R-QAE A-25、充填量 60 g) に通して、トリフルオロメタンスルホン酸アニオンを塩素イオンに変換した。その後、エバポレターを用いてメタノールを留去したのち、得られた残渣をジクロロメタン 100 gに溶解した。その後、30重量%ノ

ナフルオロー n ー ブタンスルホン酸アンモニウム水溶液 1 5 g を加えて、 室温で 1 時間攪拌し、この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置 したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水 1 0 0 ミリリットルを 加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジ クロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥 後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することによ り、4 ーメチルチオフェニル・ジフェニルスルホニウムノナフルオロー n ーブタンスルホネート 2 1 . 8 g を得た。

次いで、反応フラスコ内で、得られた4ーメチルチオフェニル・ジフェニルスルホニウムノナフルオロー n ーブタンスルホネート 2 1 . 8 g をメタノール 3 0 0 ミリリットルに溶解し、3 0 重量%過酸化水素水 1 8 g 、タングステン酸ナトリウム 2 水和物 1 0 . 5 g を加え、室温で 3 0 分間攪拌した。その後、得られたメタノール溶液を減圧濃縮して、残渣をジクロロメタン 3 0 0 g に溶解し、この溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水 1 0 0 ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、4ーメチルスルホニルフェニル・ジフェニルスルホニウムノナフルオローn ーブタンスルホネート 1 8 . 5 g を得た。この化合物を「酸発生剤(A-1 3)」とする。

合成例14

反応フラスコ内で、4-フルオロフェニル・ジフェニルスルホニウムト リフルオロメタンスルホネート26.7gをジクロロメタン200gに溶 解して、窒素置換を行った。その後、10重量%水酸化ナトリウム水溶液 200g、アントラセン-9-ニルメタンチオール15.2g加え、室温 で30分間攪拌した。その後、この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水300ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、〔4-(アントラセン-9-イルメタンスルファニル)フェニル〕ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート27.2gを得た。

次いで、反応フラスコ内で、得られた〔4-(アントラセンー9-イル メタンスルファニル)フェニル]ジフェニルスルホニウムトリフルオロメ タンスルホネート27. 2gをメタノール100gに溶解し、この溶液を イオン交換クロマトグラフィー(イオン交換樹脂:アルドリッチ(Aldric h)社製 Shephadex R-QAE A-25、充填量60g)に通して、トリフルオロメ タンスルホン酸アニオンを塩素イオンに変換した。その後、エバポレター を用いてメタノールを留去したのち、得られた残渣をジクロロメタン10 Ogに溶解した。その後、30重量%ノナフルオローnーブタンスルホン 酸アンモニウム水溶液60gを加えて、室温で1時間攪拌し、この混合溶 液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その 後、さらに蒸留水100ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、 水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネ シウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去 し、残留液体を減圧乾燥することにより、〔4-(アントラセン-9-イ ルメタンスルファニル) フェニル] ジフェニルスルホニウムノナフルオロ - n - ブタンスルホネート28.2gを得た。

次いで、反応フラスコ内で、得られた [4-(アントラセン-9-イルメタンスルファニル) フェニル] ジフェニルスルホニウムノナフルオローn-ブタンスルホネート28.2gをメタノール300ミリリットルに溶

解して、30重量%過酸化水素水18g、タングステン酸ナトリウム2水和物10.5gを加え、室温で30分間攪拌した。その後、得られたメタノール溶液を減圧濃縮して、残渣をジクロロメタン300gに溶解し、この溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水100ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、〔4ー(アントラセンー9ーイルメタンスルホニル)フェニル〕ジフェニルスルホニウムノナフルオローnーブタンスルホネート25.5gを得た。この化合物を「酸発生剤(A-14)」とする。

合成例15

反応フラスコ内で、4ーフルオロフェニル・ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート26.7gをジクロロメタン200gに溶解して、窒素置換を行った。その後、10重量%水酸化ナトリウム水溶液200g、テトラーnーブチルアンモニウムブロマイド5.8g、シクロヘキサンチオール6.71g加え、室温で30分間攪拌した。その後、この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水300ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、4ーシクロヘキシルチオフェニル・ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート19.2gを得た。

次いで、反応フラスコ内で、得られた4-シクロヘキシルチオフェニル・ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート19.2g

をメタノール100gに溶解し、この溶液をイオン交換クロマトグラフィー(イオン交換樹脂:アルドリッチ(Aldrich)社製 Shephadex R-QAE A-25、充填量60g)に通して、トリフルオロメタンスルホン酸アニオンを塩素イオンに変換した。その後、エバポレターを用いてメタノールを留去したのち、得られた残渣をジクロロメタン100gに溶解した。その後、30重量%2-(ビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2-イル)-1,1,2,2-デトラフルオロエタンスルホン酸ナトリウム水溶液15gを加えて、室温で1時間攪拌し、この混合溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水100ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、4-シクロヘキシルチオフェニル・ジフェニルスルホニウム2-(ビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2-イル)-1,1,2,2-デトラフルオロエタンスルホネート20.1gを得た。

次いで、反応フラスコ内で、得られた4ーシクロへキシルチオフェニル・ジフェニルスルホニウム2ー(ビシクロ [2.2.1] ヘプタンー2ーイル)ー1,1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホネート20.1 gをメタノール300ミリリットルに溶解し、30重量%過酸化水素水18g、タングステン酸ナトリウム2水和物10.5gを加え、室温で30分間攪拌した。その後、得られたメタノール溶液を減圧濃縮して、残渣をジクロロメタン300gに溶解し、この溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水100ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、待られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、4ーシクロへキサンスルホニルフェニル・ジフェニルスル

合成例16

反応フラスコ内で、シクロヘキサンチオール33.5g、ナトリウムエトキサイド37.4g、1ーヨードナフタレン70gをエタノール1リットルに溶解して、窒素置換を行った。その後、テトラキス(トリフェニルホスホニウム)パラジウム3.2gを加え、90℃で11時間攪拌した。その後、エタノールを滅圧留去により除去して、メチルイソブチルケトン1リットル、蒸留水1リットルを加え、得られた溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水1リットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水1リットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、サットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、サットルを加えて振り、1ーシクロヘキシルチオナフタレン46gを得た。とにより、1ーシクロヘキシルチオナフタレン46gを得た。

次いで、十分乾燥した容量100ミリリットルのナス型フラスコに攪拌子を入れ、1-シクロヘキシルチオナフタレン18.1g、五酸化ニリンーメタンスルホン酸混合物39.7gを仕込んで、氷浴により0℃に冷却して攪拌した。その後、この混合物に対して、テトラメチレンスルホキシド8.9gを5分以上かけて滴下し、同温度にて10分間攪拌したのち、氷浴を除去し、反応温度を45℃として、さらに4時間攪拌を続けた。その後、反応混合物を再度氷浴により0℃に冷却し、イオン交換水450ミリリットルおよび25重量%アンモニア水を順次滴下して、反応混合物のpHを7に調整したのち、氷浴を除去して、25℃で1時間攪拌を続け、

その後不溶分をろ別した。

次いで、得られたろ液に対して、ノナフルオローnーブタンスルホン酸リチウム45.9gをイオン交換水300ミリリットルに溶解したノナフルオローnーブタンスルホン酸リチウム水溶液、酢酸エチル200ミリリットルを加えて、25℃で5時間攪拌した。その後、この溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水500ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られた酢酸エチル溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してる過したのち、乾燥後の溶液から酢酸エチルを留去した。その後、残留液体を減圧乾燥して、nーヘキサンー塩化メチレン系により再沈精製したのち、さらにメタノールー水系による再沈精製を行った。その後、得られた化合物を真空乾燥することにより、1ー〔4ー(シクロヘキサンスルファニル)ナフタレンー1ーイル〕テトラヒドロチオフェニウムノナフルオローnーブタンスルホネート36.5gを得た。

次いで、反応フラスコ内で、得られた1-〔4-(シクロヘキサンスルファニル)ナフタレン-1-イル〕テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート30gをメタノール150ミリリットルに溶解し、30重量%過酸化水素水30g、タングステン酸ナトリウム2水和物1.8gを加えて、室温で30分間攪拌した。その後、得られたメタノール溶液を減圧濃縮して、残渣をジクロロメタン500gに溶解し、この溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水100ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタン容で、かりムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去した。その後、残渣をn-ヘキサンー塩化メチレン系により再結晶を行い、得られた結晶を真空乾燥することにより、1-〔4-(シクロヘキサンスルファニル)ナフタレン-1-イル〕テトラヒドロチオフェニウ

ムノナフルオローnーブタンスルホネート25gを得た。この化合物を 「酸発生剤(A-16)」とする。

合成例17

反応フラスコ内で、4-フルオロフェニル・ジフェニルスルホニウムト リフルオロメタンスルホネート26.7gをジクロロメタン200gに溶 解して、窒素置換を行った。その後、10重量%水酸化ナトリウム水溶液 200g、テトラーnープチルアンモニウムブロマイド5. 8g、メタン チオール6.71g加え、室温で30分間攪拌した。その後、この混合溶 液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その 後、さらに蒸留水300ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、 水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネ シウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去 し、残留液体を減圧乾燥することにより、4-メチルチオフェニル・ジ フェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート19.2gを得た。 次いで、反応フラスコ内で、得られた4-メタンチオフェニル・ジフェ ニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート19. 2gをメタノー ル100gに溶解し、この溶液をイオン交換クロマトグラフィー(イオン 交換樹脂:アルドリッチ (Aldrich) 社製Shephadex R -QAE A-25、充填量60g)に通して、トリフルオロメタンスル ホン酸アニオンを塩素イオンに変換した。その後、エバポレターを用いて メタノールを留去したのち、得られた残渣をジクロロメタン100gに溶 解した。その後、30重量%2-(ビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2 -イル)-1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホン酸ナトリウム 水溶液15gを加えて、室温で1時間攪拌し、この混合溶液を分液漏斗に 移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留 水100ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去し

た。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥 してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去し、残留液体 を減圧乾燥することにより、4-シクロヘキシルチオフェニル・ジフェニ ルスルホニウム2-(ビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2-イル)-1 , 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネート20.1gを得た。 次いで、反応フラスコ内で、得られた4-メタンチオフェニル・ジフェニ ルスルホニウム2-(ビシクロ [2.2.1] ヘプタンー2ーイル)-1 , 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネート20. 1gをメタノー ル300ミリリットルに溶解し、30重量%過酸化水素水18g、タング ステン酸ナトリウム2水和物10.5gを加え、室温で30分間攪拌した。 その後、得られたメタノール溶液を減圧濃縮して、残渣をジクロロメタン 300gに溶解し、この溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したの ち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水100ミリリットルを加えて 振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られたジクロロ メタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶 液からジクロロメタンを留去し、残留液体を減圧乾燥することにより、4 ーメタンスルホニルフェニル・ジフェニルスルホニウム2-(ビシクロ [2.2.1] ヘプタン-2-イル) -1, 1, 2, 2-テトラフルオロ エタンスルホネート15.5gを得た。この化合物を「酸発生剤(A-1 7) とする。

合成例18

十分乾燥した容量100ミリリットルのナス型フラスコに攪拌子を入れ、 1 - シクロヘキシルチオナフタレン18.1g、五酸化二リンーメタンス ルホン酸混合物39.7gを仕込んで、氷浴により0℃に冷却して攪拌し た。その後、この混合物に対して、テトラメチレンスルホキシド8.9g を5分以上かけて滴下し、同温度にて10分間攪拌したのち、氷浴を除去 し、反応温度を45℃として、さらに4時間攪拌を続けた。その後、反応混合物を再度氷浴により0℃に冷却し、イオン交換水450ミリリットルおよび25重量%アンモニア水を順次滴下して、反応混合物のpHを7に調整したのち、氷浴を除去して、25℃で1時間攪拌を続け、その後不溶分をろ別した。

次いで、得られたろ液に対して、30重量%2-(ビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2-イル)-1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホン酸ナトリウム水溶液45g、酢酸エチル200ミリリットルを加えて、25℃で5時間攪拌した。その後、この溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水500ミリリットルを加えて振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、得られた酢酸エチル溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液から酢酸エチルを留去した。その後、残留液体を減圧乾燥して、n-ヘキサン-塩化メチレン系により再沈精製したのち、さらにメタノールー水系による再沈精製を行った。その後、得られた化合物を真空乾燥することにより、1-[4-(シクロヘキサンスルファニル)ナフタレン-1-イル]テトラヒドロチオフェニウム2-(ビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イル)-1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホネート33.5gを得た。

次いで、反応フラスコ内で、得られた1-〔4-(シクロヘキサンスルファニル)ナフタレン-1-イル〕テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネー30gをメタノール150ミリリットルに溶解し、30重量%過酸化水素水30g、タングステン酸ナトリウム2水和物1.8gを加えて、室温で30分間攪拌した。その後、得られたメタノール溶液を減圧濃縮して、残渣をジクロロメタン500gに溶解し、この溶液を分液漏斗に移して振とうして、静置したのち、水層を除去した。その後、さらに蒸留水100ミリリットルを加えて振とうして、静置した

のち、水層を除去した。その後、得られたジクロロメタン溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥してろ過したのち、乾燥後の溶液からジクロロメタンを留去した。その後、残渣をnーヘキサンー塩化メチレン系により再結晶を行い、得られた結晶を真空乾燥することにより、1ー [4ー(シクロヘキサンスルファニル)ナフタレンー1ーイル]テトラヒドロチオフェニウム2ー(ビシクロ[2.2.1]ヘプタンー2ーイル)ー1,1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホネート22gを得た。この化合物を「酸発生剤(A-18)とする。

質量分析

酸発生剤(A-1) \sim (A-18) について、日本電子(株)製「JMS-AX505W型質量分析計」を用いて質量分析を行った。分析条件は下記の通りである。各酸発生剤のカチオン部分について得られたスペクトルを、図 $1\sim18$ に示す。

エミッター電流 : 5 m A (使用ガス: X e)

加速電圧 : 3. 0 k V

10N MULTI: 1. 3

イオン化法 : 高速原子衝撃法 (FAB)

検出イオン : カチオン (+)

測定質量範囲 : 20~1,500m/z

スキャン :30秒

分解能 : 1,500

マトリックス: 3-ニトロベンジルアルコール

<u> 1 H – N M R 分析</u>

酸発生剤(A-1) ~(A-1 8) について、日本電子(株)製「JN $M-EX270」を用いて <math>^{1}H-NMR分析を行った。使用した測定溶 媒は、重水素化クロロホルムである。得られたスペクトルを、図<math>19~3$

6に示す。

[(B)酸解離性基含有樹脂の合成]

以下に記載する方法により、(B)酸解離性基含有樹脂を合成した。

(B)酸解離性基含有樹脂のMwおよびMnは、東ソー(株)製GPCカラム(G2000HXL 2本、G3000HXL 1本、G4000HXL 1本、C4000HXL 1本、C4000HXL 1本、C4000HXL 1本、C4000HXL 1本、C4000CHXL 1本、C4000HXL 1和、C4000HXL 1和 C4000HXL 1和 C4

合成例19

pーアセトキシスチレン101g、スチレン5g、pーtーブトキシスチレン42g、アゾビスイソブチロニトリル6g、tードデシルメルカプタン1gを、プロピレングリコールモノメチルエーテル160gに溶解し、窒素雰囲気下、反応温度を70℃に保持して、16時間重合した。重合後、反応溶液を大量のnーヘキサン中に滴下して、樹脂を凝固精製した。その後、この精製樹脂に、再度プロピレングリコールモノメチルエーテル150gを加え、さらにメタノール300g、トリエチルアミン80g、水15gを加えて、沸点にて還流させながら、8時間加水分解反応を行なった。反応後、溶剤およびトリエチルアミンを減圧留去し、得られた樹脂をアセトンに溶解したのち、大量の水中に滴下して樹脂を凝固させ、析出した白色粉末をろ過して、減圧下50℃で一晩乾燥した。

得られた樹脂は、Mwが16,000、Mw/Mnが1.7であり、1 3C-NMR分析の結果、p-Eドロキシスチレンとスチレンとp-t-プトキシスチレンとの共重合モル比が72:5:23であった。この樹脂を「樹脂(<math>B-1)」とする。

合成例20

pーアセトキシスチレン100g、アクリル酸 t ーブチル25g、スチレン18g、アゾビスイソブチロニトリル6g、 t ードデシルメルカプタン1gを、プロピレングリコールモノメチルエーテル230gに溶解し、窒素雰囲気下、反応温度を70℃に保持して、16時間重合した。重合後、反応溶液を大量のnーヘキサン中に滴下して、樹脂を凝固精製した。その後、この精製樹脂に、再度プロピレングリコールモノメチルエーテル150gを加え、さらにメタノール300g、トリエチルアミン80g、水15gを加えて、沸点にて還流させながら、8時間加水分解反応を行った。反応後、溶剤およびトリエチルアミンを減圧留去し、得られた樹脂をアセトンに溶解したのち、大量の水中に滴下して樹脂を凝固させ、析出した白色粉末をろ過して、減圧下50℃で一晩乾燥した。

得られた樹脂は、Mwが11,500、Mw/Mnが1.6であり、1 3C-NMR分析の結果、p-ヒドロキシスチレンとアクリル酸 t-ブチルとスチレンとの共重合モル比が61:19:20であった。この樹脂を「樹脂(B-2)」とする。

合成例21

pーアセトキシスチレン97g、pーtーブトキシスチレン51g、ア ゾビスイソブチロニトリル6g、tードデシルメルカプタン1gを、プロ ピレングリコールモノメチルエーテル160gに溶解し、窒素雰囲気下、 反応温度を70℃に保持して16時間重合した。重合後、反応溶液を大量 のnーヘキサン中に滴下して、樹脂を凝固精製した。その後、この精製樹 脂に、再度プロピレングリコールモノメチルエーテル150gを加え、さ らにメタノール300g、トリエチルアミン80g、水15gを加えて、 沸点にて還流させながら、8時間加水分解反応を行った。反応後、溶剤お よびトリエチルアミンを減圧留去し、得られた樹脂をアセトンに溶解した のち、大量の水中に滴下して樹脂を凝固させ、析出した白色粉末をろ過し て、減圧下50℃で一晩乾燥した。

得られた樹脂は、Mwが16,500、Mw/Mnが1.7であり、1 3 C-NMR分析の結果、p-ヒドロキシスチレンとp-t-ブトキシスチレンとの共重合モル比が67:33であった。この樹脂を「樹脂(B-3)」とする。

合成例22

ポリ(p-ヒドロキシスチレン)25gを酢酸n-ブチル80gに溶解して、窒素により30分間バブリングを行った。その後、この溶液にジー
t-ブチルジカーボネート49gを加え、触媒としてトリエチルアミン25gを加えて、60℃で7時間反応させた。その後、酢酸n-ブチルを減
圧留去し、得られた樹脂をアセトンに溶解し、大量の水中に滴下して樹脂を凝固させ、析出した白色粉末をろ過して、減圧下50℃で一晩乾燥した。得られた樹脂は、Mwが12,000、Mw/Mnが1.7であり、13C-NMR分析の結果、ポリ(p-ヒドロキシスチレン)中のフェノール性水酸基の水素原子の26モル%が t-ブトキシカルボニル基で置換さ

合成例23

ポリ(pーヒドロキシスチレン)25gをプロピレングリコールモノメチルアセテート100gに溶解して、窒素により30分間バブリングを行った。その後、この溶液にエチルビニルエーテル4.8gを加え、触媒としてpートルエンスルホン酸ピリジニウム塩1gを加えて、室温で12時間反応させた。その後、反応溶液を1重量%アンモニア水溶液中に滴下して樹脂を凝固させ、析出した白色粉末をろ過して、減圧下50℃で一晩

れた構造を有するものであった。この樹脂を「樹脂 (B-4) 」とする。

乾燥した。

得られた樹脂は、Mwが13,000、Mw/Mnが1.7であり、
1H-NMR分析の結果、ポリ(p-ヒドロキシスチレン)中のフェノー
ル性水酸基の水素原子の34モル%がエトキシキシエチル基で置換された
構造を有するものであった。この樹脂を「樹脂(B-5)」とする。

合成例24

共重合モル比が92:8のp-ヒドロキシスチレン/p- t - ブトキシカルボニルオキシスチレン共重合体25gをプロピレングリコールモノメチルアセテート100gに溶解して、窒素により30分間バブリングを行った。その後、この溶液にエチルビニルエーテル3.3gを加え、触媒としてp-トルエンスルホン酸ピリジニウム塩1gを加えて、室温で12時間反応させた。その後、反応溶液を1重量%アンモニア水溶液中に滴下して樹脂を凝固させ、析出した白色粉末をろ過して、減圧下50℃で一晩乾燥した。

得られた樹脂は、Mwが13,000、Mw/Mnが1.8であり、1 3C-NMR分析の結果、ポリ(p-ヒドロキシスチレン)中のフェノー ル性水酸基の水素原子の23モル%がエトキシキシエチル基で、8モル% が t-ブチル基で置換された構造を有するものであった。この樹脂を「樹脂(B-6)」とする。

合成例25

共重合モル比が90:10のpーヒドロキシスチレン/pー tーブトキシスチレン共重合体25gをプロピレングリコールモノメチルアセテート100gに溶解して、窒素により30分間バブリングを行った。その後、この溶液にエチルビニルエーテル3.3gを加え、触媒としてpートルエンスルホン酸ピリジニウム塩1gを加えて、室温で12時間反応させた。

その後、反応溶液を1重量%アンモニア水溶液中に滴下して樹脂を凝固させ、析出した白色粉末をろ過して、減圧下50℃で一晩乾燥した。

得られた樹脂は、Mwが13,000、Mw/Mnが1.01であり、 ・3C-NMR分析の結果、ポリ(p-ヒドロキシスチレン)中のフェ ノール性水酸基の水素原子の23モル%が1-エトキシキシエチル基で、 10モル%がt-ブチル基で置換された構造を有するものであった。この 樹脂を〔樹脂(B-7)〕とする。

合成例26

メタクリル酸 5 - オキソー 4 - オキサトリシクロ [4.2.1.03· ァ] ノナンー 2 - イル 5 3.6 9 g、メタクリル酸 2 - メチルアダマン タンー 2 - イル 4 6.3 1 gを 2 - ブタノン 2 0 0 g に溶解し、さらにジ メチルアゾビスブチレート 4.0 4 g を投入したモノマー溶液を準備した。

別に、2-ブタノン100gを投入した1,000ミリリットル三ロフラスコを30分窒素パージしたのち、内容物を攪拌しながら80℃に加熱して、前記モノマー溶液を滴下漏斗を用い、4時間かけて滴下した。滴下開始を重合開始時間とし、重合反応を6時間実施した。重合終了後、反応溶液を水冷して30℃以下に冷却したのち、メタノール200g中へ投入し、析出した白色粉末をろ別した。その後、得られた白色粉末を2度メタノール400gによりスラリー状で洗浄したのち、炉別し、50℃にて17時間乾燥して、白色粉末の樹脂を得た。

この樹脂はMwが9,700であり、Mw/Mnが1.91であり、1 3 C-NMR分析の結果、メタクリル酸5-オキソー4-オキサトリシクロ[4.2.1.03・7] ノナン-2-イルとメタクリル酸2-メチルアダマンタン-2-イルとの共重合モル比が59.6:40.4の共重合体であった。この樹脂を「樹脂(B-8)」とする。

合成例27

メタクリル酸 2 - メチルアダマンタン-2 - イル40.90g、メタクリル酸 3 - ヒドロキシアダマンタン-1 - イル15.47g、メタクリル酸 5 - オキソ-4 - オキサトリシクロ [4.2.1.0³・ ⁷] ノナン-2 - イル43.64gを2 - ブタノン200gに溶解し、さらにジメチルアゾビスブチレート4.02gを投入したモノマー溶液を準備した。

別に、2-ブタノン100gを投入した1,000ミリリットル三ロフラスコを30分窒素パージしたのち、内容物を攪拌しながら80℃に加熱して、前記モノマー溶液を滴下漏斗を用い、4時間かけて滴下した。滴下開始を重合開始時間とし、重合反応を6時間実施した。重合終了後、反応溶液を水冷して30℃以下に冷却したのち、メタノール200g中へ投入し、析出した白色粉末を3別した。その後、得られた白色粉末を2度メタノール400gによりスラリー状で洗浄したのち、炉別し、50℃にて17時間乾燥して、白色粉末の樹脂を得た。

この樹脂はMwが9,200であり、Mw/Mnが2.02であり、1 3C-NMR分析の結果、メタクリル酸2-メチルアダマンタン-2-イルとメタクリル酸3-ヒドロキシアダマンタン-1-イルとメタクリル酸5-オキソー4-オキサトリシクロ[4.2.1.03・7]ノナン-2-イルとの共重合モル比が36.2:15.2:48.6の共重合体であった。この樹脂を「樹脂(B-9)」とする。

合成例28

メタクリル酸 1 - (アダマンタン-1-イル) - 1 - メチルエチル 4 3

. 6 6 g、メタクリル酸 3 - ヒドロキシアダマンタン-1 - イル 1 4 . 7

4 g、メタクリル酸 5 - オキソー 4 - オキサトリシクロ [4 . 2 . 1 . 0

3 . ァ] ノナン-2 - イル 4 3 . 6 6 gを 2 - ブタノン 2 0 0 g に溶解し、
さらにジメチルアゾビスブチレート 3 . 8 3 gを投入したモノマー溶液を

準備した。

245

別に、2-ブタノン100gを投入した1,000ミリリットル三ロフラスコを30分窒素パージしたのち、内容物を攪拌しながら80℃に加熱して、前記モノマー溶液を滴下漏斗を用い、4時間かけて滴下した。滴下開始を重合開始時間とし、重合反応を6時間実施した。重合終了後、反応溶液を水冷して30℃以下に冷却したのち、メタノール2000g中へ投入し、析出した白色粉末を3別した。その後、得られた白色粉末を2度メタノール400gによりスラリー状で洗浄したのち、炉別し、50℃にて17時間乾燥して、白色粉末の樹脂を得た。

この樹脂はMwが9,600であり、Mw/Mnが1.85であり、1 3 C-NMR分析の結果、メタクリル酸1-(アダマンタン-1-イル) -1-メチルエチルとメタクリル酸3-ヒドロキシアダマンタン-1-イ ルとメタクリル酸5-オキソー4-オキサトリシクロ[4.2.1.0³ ・7]ノナン-2-イルとの共重合モル比が35.6:15.1:49 .3の共重合体であった。この樹脂を「樹脂(B-10)」とする。

合成例29

メタクリル酸 2 - エチルアダマンタン-2 - イル16.13g、メタクリル酸 2 - メチルアダマンタン-2 - イル40.58g、メタクリル酸 5 - オキソ-4 - オキサトリシクロ [4.2.1.0³・ァ] ノナン-2 - イル43.29g (45mo1%) を2 - ブタノン200gに溶解し、さらにジメチルアゾビスイソブチレート3.99gを投入したモノマー溶液を準備した。

別に、2-ブタノン100gを投入した1,000ミリリットル三ロフラスコを30分窒素パージしたのち、内容物を攪拌しながら80℃に加熱して、前記モノマー溶液を滴下漏斗を用い、4時間かけて滴下した。滴下開始を重合開始時間とし、重合反応を6時間実施した。重合終了後、反応

溶液を水冷して30℃以下に冷却したのち、メタノール2000g中へ投入し、析出した白色粉末をろ別した。その後、得られた白色粉末を2度メタノール400gによりスラリー状で洗浄したのち、炉別し、50℃にて17時間乾燥して、白色粉末の樹脂を得た。

この樹脂はMwが8,900であり、Mw/Mnが1.88であり、1 3 C - NMR分析の結果、メタクリル酸2-エチルアダマンタン-2-イ ルとメタクリル酸2-メチルアダマンタン-2-イルとメタクリル酸5-オキソー4-オキサトリシクロ[4.2.1.03・7]ノナン-2-イ ルとの共重合モル比が13.7:38.2:48.1の共重合体であった。 この樹脂を「樹脂(B-11)」とする。

合成例30

アクリル酸 5 ーオキソー4 ーオキサトリシクロ [4.2.1.0°・・フリナンー2 ーイル42.44g、アクリル酸 3 ーヒドロキシアダマンタンー1 ーイル15.10g、アクリル酸2 ーエチルアダマンタンー2 ーイル42.46gを2ーブタノン200gに溶解し、さらにジメチルアゾビスブチレート4.17gを投入したモノマー溶液を準備した。

別に、2-ブタノン100gを投入した1,000ミリリットル三ロフラスコを30分窒素パージしたのち、内容物を攪拌しながら80℃に加熱して、前記モノマー溶液を滴下漏斗を用い、4時間かけて滴下した。滴下開始を重合開始時間とし、重合反応を6時間実施した。重合終了後、反応溶液を水冷して30℃以下に冷却したのち、メタノール200g中へ投入し、析出した白色粉末を3別した。その後、得られた白色粉末を2度メタノール400gによりスラリー状で洗浄したのち、炉別し、50℃にて17時間乾燥して、白色粉末の樹脂を得た。

この樹脂はMw10,200であり、Mw/Mnが2.05であり、1 3C-NMR分析の結果、アクリル酸5-オキソー4-オキサトリシクロ [4.2.1.0 ³・ ▽] ノナン-2-イルとアクリル酸 3-ヒドロキシアダマンタン-1-イルとアクリル酸 2-エチルアダマンタン-2-イルとの共重合モル比が 49.2:15.3:35.5の共重合体であった。この樹脂を「樹脂(B-12)」とする。

合成例31

メタクリル酸 5 - オキソー 4 - オキサトリシクロ [4.2.1.0° · · ·] ノナン-2 - イル 5 5.00g、メタクリル酸 3 - ヒドロキシアダマンタン-1 - イル 1 1.70g、アクリル酸 1 - エチルシクロペンチル33.31gを2-ブタノン200gに溶解し、さらにジメチルアゾビスブチレート4.56gを投入したモノマー溶液を準備した。

別に、2-ブタノン100gを投入した1,000ミリリットル三ロフラスコを30分窒素パージしたのち、内容物を攪拌しながら80℃に加熱して、前記モノマー溶液を滴下漏斗を用い、4時間かけて滴下した。滴下開始を重合開始時間とし、重合反応を6時間実施した。重合終了後、反応溶液を水冷して30℃以下に冷却したのち、2-プロパノール/n-ヘプタン=1/2(重量比)の混合溶媒2,000g中へ投入し、析出した白色粉末を3別した。その後、得られた白色粉末を2度2-プロパノール/n-ヘプタン=1/2(重量比)の混合溶媒400gによりスラリー状で洗浄したのち、炉別し、50℃にて17時間乾燥した、白色粉末の樹脂を得た。

合成例32

撹拌機、寒流冷却器および温度計を装着した3つロフラスコに、前記式(22-2)で表される繰り返し単位を与えるトリエトキシシラン化合物1.52g、前記式(24-1)で表される繰り返し単位を与えるトリエトキシシラン化合物1.57g、メチルトリエトキシシラン1.91g、4-メチル-2-ペンタノン15g、1.75重量%しゅう酸水溶液1.31gを加えて、撹拌しつつ80℃で6時間反応させたのち、反応容器を氷冷して反応を停止させた。その後、反応溶液を分液ロートに移して水層を除去し、さらにイオン交換水を加えて有機層を水洗して、反応溶液が中性になるまで水洗を繰り返したのち、有機層を減圧留去した。

得られた樹脂は、Mwが 2, 0 0 0 であり、Mw/Mnが 2. 3 2 であり、 $1 \ ^3$ C - NMR 分析の結果、式(2 2 - 2)で表される繰り返し単位と式(2 $4 \ - 1$)で表される繰り返し単位とのモル比が 6 0 : 4 0 の樹脂であった。この樹脂を「樹脂($B \ - 14$)」とする。

〔組成物溶液の調製〕

表 1-1 または表 1-2 (但し、「部」は重量基準である。)に示す各成分を混合して均一溶液としたのち、孔径 0.2 μ m のメンブランフィルターでろ過して、実施例 1~2 2 および比較例 1~2 の各組成物溶液を調製した。

実施例および比較例で用いた酸発生剤(A-1) \sim (A-6) および樹脂(B-1) \sim (B-14)以外の各成分は下記の通りである。

他の酸発生剤

a-1: トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート
a-2: ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムトリフルオロメタ
ンスルホネート

酸拡散制御剤

C-1: トリーn - ヘキシルアミン

C-2: トリエタノールアミン

C-3:2-フェニルベンズイミダゾール

C-4:1, 2-ij

C-5:3-ピペリジノ-1,2-プロパンジオール

溶解制御剤

D-1: デオキシコール酸 t ーブトキシカルボニルメチルエステル

溶剤

S-1:乳酸エチル

S-2: プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート

S-3:2ーヘプタノン

S-4: y ーブチロラクトン

[性能評価]

実施例1~22および比較例1~2の各液状組成物をシリコンウェハー上にスピンコートしたのち、表2に示す条件でPBを行って、表2に示す際厚のレジスト被膜を形成した。その後、表2に示す条件で露光を行ったのち、表2に示す条件でPEBを行った。その後、2.38重量%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液を用い、23℃で1分間、パドル法により現像したのち、純水で水洗し、乾燥することにより、レジストパターンを形成した。

ここで、露光に用いた装置は、露光光源がKrFエキシマレーザー(表2では「KrF」と表示)の場合、(株)ニコン製「ステッパーNSR2205 EX12B」(開口数0.55);露光光源がArFエキシマ .

レーザー (表 2 では「A r F 」と表示) の場合、 (株) ニコン製A r F エキシマレーザー露光装置 (開口数 0 . 5 5) ;露光光源が F 2 エキシマレーザー (表 2 では「F 2」と表示) の場合、ウルトラテック

(Ultratech)社製F2 エキシマレーザー露光装置「XLS」(開口数 0 . 6 0);露光光源が電子線の場合、日立製作所(株)製直描用電子線描画装置「HL700」(加速電圧30KeV)を加速電圧50KeVに改良した装置をそれぞれ用いた。

得られた各レジストパターンについて、下記の方法により性能評価を 行った。評価結果を表 3 に示す。

感度

シリコンウエハー上に形成したレジスト被膜に露光量を変えて露光したのち、直ちにPEBを行い、その後現像し、水洗し、乾燥して、レジストパターンを形成したとき、線幅 0.25 μmのライン・アンド・スペースパターン (1 L 1 S) を 1 対 1 の線幅に形成する露光量を最適露光量とし、この最適露光量を感度とした。

解像度

最適露光量で露光したときに解像されるレジストパターンの最小寸法を 解像度とした。

パターン形状

シリコンウエハー上に形成した線幅 0.25μ mのライン・アンド・スペースパターン(1L1S)の方形状断面の下辺の寸法Laと上辺の寸法Lbを、走査型電子顕微鏡を用いて測定し、 $0.85 \le Lb/La \le 1$ の条件を満足するものを「良好」とし、この条件を満たさないものを「不良」とした。

保存安定性

各液状組成物について、調製後直後の感度、および室温で1月間静置後の感度を評価して、1月間静置後の感度の調製後直後の感度に対する変化

量が10%未満のものを「良好」とし、10%以上ものを「不良」とした。

表 1-1

	感放射線性	(B)酸解離	酸拡散制	溶解制御	溶剤
	酸発生剤	性基含有樹脂	御剤	剤(部)	(部)
	(部)	(部)	(部)	,112 (PIP)	
実施例 1	A-1 (3)	B-5 (65)	C-2 (0.3)	_	S-1 (250)
	, , , (5)	B-4 (35)	0 2 (0.0)		S-2 (550)
実施例 2	A-2 (2)	B-5 (70)	C-1 (0.25)	_	S-2 (800)
	a-3 (2)	B-3 (30)	(3.23)		,
実施例3	A-1 (2)	B-7 (100)	C-1 (0.3)	_	S-1 (250)
	a-3 (2)				S-2 (550)
実施例 4	A-2 (2)	B-1 (100)	C-4 (0.4)	-	S-1 (800)
	a-3 (2)	, ,			
実施例 5	A-2 (2)	B-2 (100)	C-2 (0.3)	-	S-1 (400)
	a-2(1)				S-2 (400)
実施例 6	A-2 (2)	B-6 (100)	C-2 (0.1)	-	S-1 (250)
	a-3 (1)		C-4 (0.2)		S-2 (550)
実施例7	A-6 (1)	B-7 (100)	C-1 (0.3)	-	S-4 (600)
	a-3 (12)				
実施例8	A-6 (1)	B-2 (100)	C-1 (0.3)	-	S-4 (600)
	a-3 (12)				
実施例 9	A-1 (3)	B-8 (100)	C-5 (0.25)	D-1 (8)	S-2 (550)
					S-4 (50)
実施例 10	A-2 (4)	B-8 (100)	C-2 (0.25)	-	S-2 (550)
			_		S-4 (50)
実施例 11	A-3 (3)	B-8 (100)	C-5 (0.25)	D-1 (8)	S-2 (550)
					S-4 (50)
実施例 12	A-4 (4)	B-8 (100)	C-2 (0.25)	-	S-2 (550)
					S-4 (50)

表 1-2

		<u> </u>			
	感放射線性	(B) 酸解離	酸拡散制	溶解制御	溶剤
	酸発生剤	性基含有樹脂	御剤	剤 (部)	(部)
	(部)	(部)	(部)		
実施例 13	A-5 (3)	B-8 (100)	C-5	D-1 (8)	S-2 (550)
			(0.25)		S-4 (50)
実施例 14	A-2 (4)	B-9 (100)	C-5	-	S-4 (550)
			(0.25)		S-2 (50)
実施例 15	A-2 (4)	B-10 (100)	C-5	-	S-4 (550)
			(0.25)		S-2 (50)
実施例 16	A-2 (4)	B-11 (100)	C-5	D-1 (8)	S-4 (550)
			(0.25)		S-2 (50)
実施例 17	A-2 (4)	B-12 (100)	C-2	-	S-4 (600)
	-		(0.25)		
実施例 18	A-2 (4)	B-13 (100)	C-2	-	S-4 (550)
			(0.25)		
実施例 19	A-6 (4)	B-8 (100)	C-3	-	S-4 (900)
			(0.1)		
実施例 20	A-2 (3)	B-1 (100)	C-4	-	S-1 (400)
			(0.3)		S-2 (400)
実施例 21	A-6 (4)	B-1 (100)	C-4	-	S-1 (400)
			(0.3)		S-3 (400)
実施例 22	A-1 (1.5)	B-14 (100)	C-3	-	S-3 (900)
			(0.1)		
比較例1	a-1 (5)	B-5 (65)	C-1	-	S-1 (250)
		B-4 (35)	(0.2)		S-2 (550)
比較例 2	a-1 (4)	B-9 (100)	C-1	-	S-3 (600)
			(0.3)		

表 2

	(A)			源。	温度	時間
	(A)	温度	時間	仍不		
		(℃)	(秒)	–	(℃)	(秒)
実施例 1	5000	100	90	KrF	110	90
実施例2	5000	100	90	KrF	110	90
実施例3	5000	100	90	KrF	100	90
実施例 4	5000	120	90	KrF	130	90
実施例 5	5000	120	90	KrF	140	90
実施例 6	5000	100	90	KrF	110	90
実施例 7	2300	130	60	KrF	130	90
実施例8	2300	130	60	KrF	130	90
実施例 9	3300	130	90	ArF	130	90
実施例 10	3300	130	90	ArF	130	90
実施例 11	3300	130	90	ArF	130	90
実施例 12	3300	120	90	ArF	130	90
実施例 13	3300	130	90	ArF	130	90
実施例 14	3300	130	90	ArF	130	90
実施例 15	3300	130	90	ArF	120	90
実施例 16	3300	120	90	ArF	100	90
実施例 17	3300	130	90	ArF	100	90
実施例 18	3300	130	90	ArF	110	. 90
実施例 19	4000	130	90	ArF	110	90
実施例 20	3000	120	90	電子線	130	90
実施例 21	3000	120	90	電子線	130	90
実施例 22	1000	130	90	F2	110	90
比較例 1	5000	100	90	KrF	110	90
比較例 2	5000	130	90	ArF	140	90

表 3

		<u> </u>	r	7
	感度	解像度	パターン形	保存安定性
		(μm)	状	
実施例 1	300J/m ²	0.15	良好	良好
実施例 2	310J/m ²	0.15	良好	良好
実施例 3	290J/m²	0.15	良好	良好
実施例 4	330J/m ²	0.14	良好	良好
実施例 5	320J/m ²	0.16	良好	良好
実施例 6	320J/m ²	0.15	良好	良好
実施例 7	330J/m ²	0.13	良好	良好
実施例 8	330J/m ²	0.13	良好	良好
実施例 9	375J/m ²	0.14	良好	良好
実施例 10	382J/m²	0.14	良好	良好
実施例 11	385J/m²	0.14	良好	良好
実施例 12	370J/m ²	0.14	良好	良好
実施例 13	375J/m²	0.14	良好	良好
実施例 14	428J/m²	0.13	良好	良好
実施例 15	419J/m²	0.13	良好	良好
実施例 16	319J/m ²	0.14	良好	良好
実施例 17	296J/m²	0.13	良好	良好
実施例 18	323J/m ²	0.13	良好	良好
実施例 19	450J/m²	0.13	良好	良好
実施例 20	0.03C/m ²	0.14	良好	良好
実施例 21	0.035C/m ²	0.14	良好	良好
実施例 22	210J/m ²	0.13	良好	良好
比較例 1	360J/m ²	0.16	不良	不良
比較例 2	700J/m²	0.16	不良	不良

表 4-1

		<u> </u>			
	感放射線	(B)酸解離	酸拡散制	溶解制	溶剤
	性酸発生	性基含有樹脂	御剤	御剤	(部)
	剤 (部)	(部)	(部)	(部)	
実施例 23	A-7 (3)	B-5 (65)	C-2 (0.3)	-	S-1 (250)
_		B-4 (35)			S-2 (550)
実施例 24	A-8 (2)	B-5 (70)	C-1 (0.25)	<u>-</u>	S-2 (800)
	a-3 (2)	B-3 (30)			
実施例 25	A-7 (2)	B-7 (100)	C-1 (0.3)	-	S-1 (250)
	a-3 (2)				S-2 (550)
実施例 26	A-9 (2)	B-1 (100)	C-1 (0.4)	-	S-1 (800)
	a-3 (2)				
実施例 27	A-9 (2)	B-2 (100)	C-1 (0.3)	-	S-1 (400)
	a-2 (1)				S-2 (400)
実施例 28	A-8 (2)	B-6 (100)	C-1 (0.1)	-	S-1 (250)
	A-3 (1)		C-4 (0.2)		S-2 (550)
実施例 29	A-7 (3)	B-8 (100)	C-5 (0.25)	D-1 (8)	S-2 (550)
					S-4 (50)
実施例 30	A-8 (3)	B-8 (100)	C-2 (0.25)	-	S-2 (550)
					S-4 (50)
実施例 31	A-9 (5)	B-8 (100)	C-2 (0.25)	-	S-2 (550)
					S-4 (50)
実施例 32	A-8 (4)	B-9 (100)	C-5 (0.25)	-	S-2 (550)
			-		S-4 (50)
実施例 33	A-8 (4)	B-10 (100)	C-5 (0.25)	-	S-2 (550)
					S-4 (50)
実施例 34	A-8 (4)	B-11 (100)	C-5 (0.25)	D-1 (8)	S-2 (550)
					S-4 (50)
実施例 35	A-8 (4)	B-12 (100)	C-2 (0.25)	-	S-2 (600)
実施例 36	A-8 (4)	B-13 (100)	C-2 (0.25)	-	S-2 (550)
実施例 37	A-8 (3)	B-1 (100)	C-4 (0.25)	-	S-1 (400)
					S-2 (400)

表 4-2

		<u> </u>			
	感放射線性	(B) 酸解離	酸拡散制	溶解制御	溶剤
	酸発生剤	性基含有樹脂	御剤	剤 (部)	(部)
	(部)	(部)	(部)		
実施例 38	A-9 (1.5)	B-14 (100)	C-3 (0.1)	-	S-3 (900)
実施例 39	A-10 (3)	B-8 (100)	C-5 (0.25)	-	S-2 (550) S-4 (50)
実施例 40	A-11 (3)	B-8 (100)	C-5 (0.25)	-	S-2 (550) S-4 (50)
実施例 41	A-12 (3)	B-8 (100)	C-5 (0.25)	-	S-2 (550) S-4 (50)
実施例 42	A-13 (4)	B-8 (100)	C-5 (0.25)	-	S-2 (550) S-4 (50)
実施例 43	A-14 (3)	B-8 (100)	C-5 (0.25)	-	S-2 (550) S-4 (50)
実施例 44	A-15 (2)	B-8 (100)	C-5 (0.25)	-	S-2 (550) S-4 (50)
実施例 45	A-16 (6)	B-8 (100)	C-5 (0.25)	-	S-2 (550) S-4 (50)
実施例 46	A-16 (3)	B-12 (100)	C-4 (0.20)	-	S-2 (550) S-4 (50)
実施例 47	A-17 (6)	B-8 (100)	C-5 (0.25)	-	S-2 (550) S-4 (50)
実施例 48	A-18 (6)	B-8 (100)	C-5 (0.25)	-	S-2 (550) S-4 (50)

表 5

	膜厚	PB		露光	PE	B
	(Å)	温度	時間	光源	温度	時間
		(℃)	(秒)_		(℃)	(秒)
実施例 23	5000	100	90	KrF	110	90
実施例 24	5000	100	90	KrF	110	90
実施例 25	5000	100	90	KrF	100	90
実施例 26	5000	120	90	KrF	130	90
実施例 27	5000	120	90	KrF	140	90
実施例 28	5000	100	90	KrF	110	90
実施例 29	3300	130	90	ArF	130	90
実施例 30	3300	130	90	ArF	130	90
実施例 31	3300	130	90	ArF	130	90
実施例 32	3300	130	90	ArF	130	90
実施例 33	3300	130	90	ArF	120	90
実施例 34	3300	120	90	ArF	100	90
実施例 35	3300	130	90	ArF	100	90
実施例 36	3300	130	90	ArF	110	90
実施例 37	3000	120	90	電子線	130	90
実施例 38	1000	130	90	F2	110	90
実施例 39	3300	130	90	ArF	130	90
実施例 40	3300	130	90	ArF	130	90
実施例 41	3300	130	90	ArF	130	90
実施例 42	3300	130	90	ArF	130	90
実施例 43	3300	130	90	ArF	130	90
実施例 44	3300	130	90	ArF	130	90
実施例 45	3300	130	90	ArF	130	90
実施例 46	3300	130	90	ArF	130	90
実施例 47	3300	130	90	ArF	130	90
実施例 48	3300	130	90	ArF	130	90

表 6

		<u> </u>	7	F
	感度	解像度	パターン形	保存安定性
		(μm)	状	
実施例 23	320J/m ²	0.15	良好	良好
実施例 24	330J/m ²	0.15	良好	良好
実施例 25	350J/m²	0.15	良好	良好
実施例 26	350J/m ²	0.14	良好	良好
実施例 27	370J/m ²	0.16	良好	良好
実施例 28	320J/m ²	0.15	良好	良好
実施例 29	382J/m²	0.14	良好	良好
実施例 30	403J/m²	0.14	良好	良好
実施例 31	582J/m²	0.13	良好	良好
実施例 32	443J/m²	0.13	良好	良好
実施例 33	452J/m²	0.13	良好	良好
実施例 34	352J/m ²	0.14	良好	良好
実施例 35	337J/m²	0.13	良好	良好
実施例 36	368J/m²	0.13	良好	良好
実施例 37	0.03C/m ²	0.14	良好	良好
実施例 38	190J/m²	0.13	良好	良好
実施例 39	452J/m²	0.14	良好	良好
実施例 40	520J/m ²	0.13	良好	良好
実施例 41	535J/m²	0.13	良好	良好
実施例 42	485J/m²	0.14	良好	良好
実施例 43	449J/m²	0.15	良好	良好
実施例 44	475J/m²	0.16	良好	良好
実施例 45	550J/m ²	0.14	良好	良好
実施例 46	525J/m ²	0.13	良好	良好
実施例 47	550J/m ²	0.13	良好	良好
実施例 48	550J/m ²	0.14	良好	良好

表3および表6から、本発明の(A)酸発生剤を用いたポジ型感放射線性樹脂組成物は、当該酸発生剤を用いない比較例のポジ型感放射線性樹脂組成物に比べて、保存安定性が良好で耐塩基性に優れており、しかも高感度および高解像度であることが明らかとなる。

本発明のオニウム塩化合物(1)およびオニウム塩化合物(2)は、特に、優れた保存安定性を有し、かつ活性放射線、例えばKェFエキシマレーザー、AェFエキシマレーザー、Fュ エキシマレーザーあるいはEUVに代表される遠紫外線、電子線等に感応して高感度であり、集積回路素子の製造に代表される微細加工に有用な化学増幅型フォトレジストの感放射線性酸発生剤として極めて好適に使用することができる。また、これらのオニウム塩化合物を必須成分とする(A)酸発生剤を用いた本発明のポジ型感放射線性樹脂組成物は、保存安定性に優れ、しかも高感度および高解像度であり、特に、今後ますます微細化が進行すると予想される集積回路素子製造用の化学増幅型レジストとして極めて有用である。

特許請求の範囲

1. カチオン部分が下記一般式(1)で表されるオニウム塩化合物。

$$(Ar^2)_{n} - A^{+} - (Ar^1)_{m}$$
 (1)

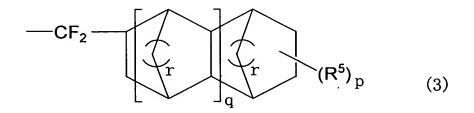
[一般式 (1) において、Aはヨウ素原子または硫黄原子を示し、Aがヨウ素原 子の場合、mは1または2、nは0または1で、(m+n)=2を満たし、xは 1~10の整数であり、Aが硫黄原子の場合、mは1~3の整数、nは0~2の 整数で、(m + n) = 3 を満たし、x は 1 ~ 1 5 の整数であり、A r ¹ は置換 もしくは非置換の炭素数 6 ~ 2 0 の 1 ~ (x + 1) 価の芳香族炭化水素基または 置換もしくは非置換の原子数3~20の1~(x+1)価の複素環式基を示し、 Ar² は置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基また は置換もしくは非置換の原子数3~20の1価の複素環式基を示すか、あるいは Ar¹とAr²が相互に結合して、式中のA+と共に原子数3~8の環状構造 を有する基を形成しており、 x 個の - P 基は m 個の A r 1 基の 1 つ以上に結合 しており、Pは-O-SO2 R1 、-O-S (O) R2または-SO2 R3 を示し、R1、R2およびR3は相互に独立に水素原子、置換もしくは非置換の 炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数3~20の1価の脂 環式炭化水素基、炭素数2~20のアルケニル基、置換もしくは非置換の炭素数 6~20の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは非置換の原子数3~20の1 価の複素環式基または - N (R') 2 基 (但し、各R' は相互に独立に水素原子、 置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素 数3~20の1価の脂環式炭化水素基、炭素数2~20のアルケニル基、置換も しくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非 置換の原子数3~20の1価の複素環式基を示すか、あるいは2個のR′が相互 に結合して、式中の窒素原子と共に原子数3~8の環状構造を有する基を形成し ている。)を示す。〕

- 2. 一般式 (1) 中のAが硫黄原子である、請求項1に記載のオニウム塩化合物。
- 3. 一般式(1)中のPが-O-SO₂-CF₂-R⁴である、カチオン部分が下記一般式(2)で表される請求項1に記載のオニウム塩化合物。

$$\left(OSO_{2} - CF_{2} - R^{4}\right)_{X}$$

$$\left(Ar^{2}\right)_{n} - A^{+} - \left(Ar^{1}\right)_{m} \qquad (2)$$

- [一般式(2) において、A、Ar¹、m、Ar²、nおよびxは一般式
 (1) におけるそれぞれA、Ar¹、m、Ar²、nおよびxと同義であり、
 R⁴は水素原子、フッ素原子、ニトロ基、シアノ基または炭素数1~20の1
 価の有機基を示す。〕
- 4. 一般式(2)中のAが硫黄原子である、請求項3に記載のオニウム塩化合物。
- 5. 一般式 (2) 中のR 4 が下記一般式 (3) で表される基である、請求項 3に記載のオニウム塩化合物。



[一般式 (3) において、R5 は置換もしくは非置換の炭素数 1~20のアル

キル基、置換もしくは非置換の炭素数 3~20の1価の脂環式炭化水素基、炭素数 2~20のアルケニル基、置換もしくは非置換の炭素数 6~20の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは非置換の原子数 3~20の1価の複素環式基または一N(R²)。 基(但し、R²は水素原子、置換もしくは非置換の炭素数 1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数 3~20の1価の脂環式炭化水素基、炭素数 2~20のアルケニル基、置換もしくは非置換の炭素数 6~20の1価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の原子数 3~20の1価の複素環式基を示すか、あるいは2個のR²が相互に結合して、式中の窒素原子と共に原子数 3~8の環状構造を有する基を形成している。)を示し、pは0~16の整数であり、qは0~8の整数である。rは1~3の整数である。〕

6. 一般式 (3) における p および q がともに 0 であり、 2 つの r がともに 1 である請求項 5 に記載のオニウム塩化合物。

7. 一般式(1)中のPが式、

$$SO_2$$
 R^6 p

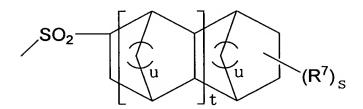
で表される基である、カチオン部分が下記一般式(4)で表される請求項1に記載のオニウム塩化合物。

$$SO_{2} \xrightarrow{\left[R^{6}\right]_{p}} X$$

$$(Ar^{2})_{n} \xrightarrow{A^{+}} (Ar^{1})_{m} (4)$$

-N(R³)2基(但し、各R³,は相互に独立に水素原子、置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数3~20の1価の脂環式炭化水素基、炭素数2~20のアルケニル基、置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の原子数3~20の1価の複素環式基を示すか、あるいは2個のR³,が相互に結合して、式中の窒素原子と共に原子数3~8の環状構造を有する基を形成している。)を示す。〕

8. 一般式(1)中のPが式、



で表される基である、カチオン部分が下記一般式 (5) で表される請求項1に記載のオニウム塩化合物。

$$(Ar^{2})_{\overline{n}} A^{+} (Ar^{1})_{\overline{m}} SO_{2} (5)$$

【一般式(5)において、A、Ar¹、m、Ar²、nおよび×は一般式(1)におけるそれぞれA、Ar¹、m、Ar²、nおよび×と同義であり、R²は置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数3~20の1価の脂環式炭化水素基、炭素数2~20のアルケニル基、置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは非置換の原子数3~20の1価の複素環式基または一N(R⁴)2基(但し、各R⁴は相互に独立に水素原子、置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の原子数3~20の1価の複素環式基を示すか、あるいは2個のR⁴が相互に結合して、式中の窒素原子と共に原子数3~8の環状構造を有する基を形成している。)を示し、sは0~6の整数であり、tは0~5の整数であり、各uは相互に独立に1~3の整数である。〕

9. 一般式(1)中のPが式、

$$SO_2$$
 $O-R^8$
 $O-R^9$

で表される基である、カチオン部分が下記一般式(6)で表される請求項1に記載のオニウム塩化合物。

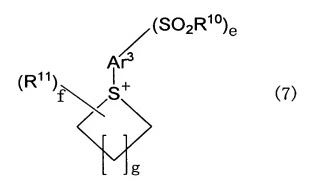
$$SO_{2} \longrightarrow O-R^{8}$$

$$(Ar^{2})_{n} \longrightarrow A^{+} \longrightarrow (Ar^{1})_{m}$$

$$(6)$$

[-般式(6) において、A、Ar 1 、m、Ar 2 、nおよびxは一般式(1) におけるそれぞれA、Ar 1 、m、Ar 2 、nおよびxと同義であり、R 8 およびR 9 は相互に独立に置換もしくは非置換の炭素数 $1\sim 2$ 0 のアルキル基または置換もしくは非置換の炭素数 $3\sim 2$ 0 の 1 価の脂環式炭化水素基を示すか、あるいはR 8 とR 9 が相互に結合して、式中の 1 個の炭素原子および 2 個の酸素原子と共に原子数 $4\sim 1$ 0 の環状構造を有する基を形成しており、 v およびw はそれぞれ $0\sim 5$ の整数で、 $(v+w)\geq 1$ を満たす。〕

10. カチオン部分が下記一般式 (7) で表されるオニウム塩化合物。



[一般式 (7) において、Ar ³ は置換もしくは非置換の炭素数 6~20の2価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の原子数 3~20の2価の複素環式基を示し、R¹ およびR¹ は相互に独立に置換もしくは非置換の炭素数 1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数 3~20の1価の脂環式炭化水素基、炭素数 2~20のアルケニル基、置換もしくは非置換の炭素数 6~2

○の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは非置換の原子数3~20の1価の複素環式基または一N(R^{5'}) 2基(但し、各R^{5'}は相互に独立に水素原子、置換もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数3~20の1価の脂環式炭化水素基、炭素数2~20のアルケニル基、置換もしくは非置換の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の原子数3~20の1価の複素環式基を示すか、あるいは2個のR^{5'}が相互に結合して、式中の窒素原子と共に原子数3~8の環状構造を有する基を形成している。)を示し、eは1~10の整数であり、fは0~6の整数であり、gは0~3の整数である。〕

11. 一般式 (7) 中のAr ³ が式、

で表される基である、カチオン部分が下記一般式(8)で表される請求項10に記載のオニウム塩化合物。

$$(R^{12})_h$$
 $(SO_2R^{10})_e$ (8)

[一般式(8)において、R ¹ º、e、R ¹ ¹、fおよびgは一般式(7)におけるそれぞれR ² º、e、R ² ¹、fおよびgと同義であり、R ² ²は置換もしくは非置換の炭素数 1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数 3~20の1価の脂環式炭化水素基、炭素数 2~20のアルケニル基、置換もしくは非置換の原子数 3~20の1価の複素環式基または一N(R °)2基(但し、各R ° は相互に独立に水素原子、置換もしくは非置換の炭素数 1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数 1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数 1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数 1~20のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数 6~20の1価の芳香族炭化水素基、炭素数 2~20のアルケニル基、置換もしくは非置換の炭素数 6~20の1価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の炭素数 6~20の1価の芳香族炭化水素基または置換もしくは非置換の炭素数 6~20の1価の芳香族炭化水素をたは置換もしくは非置換の炭素数 6~20の1価の芳香族炭化水素を計る基を形成している。)を示し、hは0~6の整数である。〕

12. 一般式 (7) 中のAr ³ が式、

で表される基である、カチオン部分が下記一般式(9)で表される請求項10に記載のオニウム塩化合物。

$$(R^{12})_h$$
 $(SO_2R^{10})_e$ $(R^{11})_f$ S^+ (9)

13. 一般式 (7) 中のAr ³が式、

で表される基であり、 e が 1 である、カチオン部分が下記一般式 (10) で表される請求項 10 に記載のオニウム塩化合物。

$$(R^{12})_h$$
 SO_2R^{10} $(R^{11})_f$ S^+ (10)

[一般式 (10) において、R¹⁰、R¹¹、f、R¹²およびhは一般式 (8) におけるそれぞれR¹⁰、R¹¹、f、R¹²およびhと同義であ る。]

- 14. (A) フォトレジスト用感放射線性酸発生剤として請求項1に記載のオニウム塩化合物から選ばれる少なくとも1種の感放射線性酸発生剤および(B)酸解離性基を有するアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂であって、該酸解離性基が解離したときにアルカリ易溶性となる樹脂を含有することを特徴とするポジ型感放射線性樹脂組成物。
- 15. フォトレジスト用感放射線性酸発生剤が請求項1に記載のオニウム塩化合物において下記一般式(1)中のPが-SO2 R3であるオニウム塩化合物から選ばれる少なくとも1種である請求項14記載のポジ型感放射線性樹脂組成物。
- 16. フォトレジスト用感放射線性酸発生剤が請求項3に記載のオニウム塩化合物から選ばれる少なくとも1種である請求項14記載のポジ型感放射線性樹脂組成物。
- 17. フォトレジスト用感放射線性酸発生剤が請求項5に記載のオニウム塩化合物から選ばれる少なくとも1種である請求項14記載のポジ型感放射線性樹脂

組成物。

18. (A) フォトレジスト用感放射線性酸発生剤として請求項10に記載の オニウム塩化合物から選ばれる少なくとも1種の感放射線性酸発生剤および (B) 酸解離性基を有するアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂であって、 該酸解離性基が解離したときにアルカリ易溶性となる樹脂を含有することを特徴 とするポジ型感放射線性樹脂組成物。

要約書

カチオン部分が下記一般式(1)で表されるオニウム塩化合物を開示する。

$$(Ar^2)_{\overline{n}} A^{+} (Ar^1)_{\overline{n}} \qquad (1)$$

式中、AはIまたはS、mは1または2、nは0または1、xは1~10、Ar1およびAr2は1価の(置換) 芳香族炭化水素基等を示し、Pは-O-SO2R、-O-S(O) Rまたは-SO2R(Rは水素原子、(置換) アルキル基、(置換) 脂環式炭化水素基等を示す。オニウム塩化合物はポジ型感放射線性樹脂組成物のフォトレジスト用感放射線性酸発生剤として好適であり、これを含むポジ型感放射線性樹脂組成物は各種の放射線に感応し、優れた保存安定性を有するとともに、高感度で高解像度の化学増幅型フォトレジストとして有用である。